

Qualitätsmanagement in der Bosch-Gruppe | Technische Statistik

10. Fähigkeit von

Mess- und Prüfprozessen





Leerseite



Qualitätsmanagement in der Bosch-Gruppe Technische Statistik

Heft 10

Fähigkeit von Mess- und Prüfprozessen

Ausgabe 11.2019



Ausgabe 11.2019

Im vorliegenden Heft angegebene Mindestforderungen zu Fähigkeitskriterien entsprechen dem Stand bei Drucklegung (Ausgabedatum). Für die aktuelle Festlegung ist CDQ 0301 maßgeblich.



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	
	Anwendungsbereich	
	Ablaufdiagramme	
	Verfahren zum Nachweis der Messprozessfähigkeit anhand kontinuierlicher Merkmale	
4.	•	
4.2	,	
4.3		
4.4		
4.		
	4.5.1 Vorbereitung	
	4.5.2 Prüfintervall (Stichprobenintervall)	
	4.5.3 Durchführung	
4.6	C	
	Verfahren zum Nachweis der Prüfprozessfähigkeit anhand diskreter Merkmale	
5. ⁻	·	
5.2		
5.3		
	Bewertung nicht fähiger Mess- und Prüfprozesse	
	ang	
	Beispiele für Check-Listen zur Messprozessanalyse	
	Formblätter zur manuellen Auswertung	
	Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 1	
C.		
C.		
C.		
	Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 2 und 3	
D.		
D.	· ·	
D.		
D.	•	
D.		
D.		
	Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 4 (Linearität)	
_ E.		
E.:		
F	Verfahren 5: Faktoren zur Berechnung von Eingriffsgrenzen	
	Kenngröße "Kappa" (κ)	
G.		
G.	-	
G.		
G.		
Sym	ubolverzeichnis	
-	riffe	
·	atur	
	hwortverzeichnis	



Verzeichnis der Ablaufdiagramme

Abb. 1: Ubersicht Ablaufphasen und Zuständigkeiten bei Fähigkeitsuntersuchungen	3
Abb. 2: Übergeordneter Ablauf Mess- und Prüfprozessfähigkeitsuntersuchungen (Ebene 1)	
Abb. 3: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung bei kontinuierlichen Merkmalen (Ebene 2)	
Abb. 4: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung bei kontinuierlichen Merkmalen (Ebene 3)	6
Abb. 5: Ablauf Prüfprozessfähigkeitsuntersuchung bei diskreten Merkmalen (Ebene 2)	7
Abb. 6: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 1 (Ebene 4)	10
Abb. 7: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 2 (Ebene 4)	13
Abb. 8: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 3 (Ebene 4)	16
Abb. 9: Stabilitätsüberwachung bei kontinuierlichen Merkmalen (Verfahren 5)	10



1 Einleitung

Die im vorliegenden Heft beschriebenen Verfahren sind Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems bei Bosch und über das Managementhandbuch [MH] und die Zentralanweisung [CDQ 0301] eingebunden. Die vorliegende Ausgabe von Heft 10 erfüllt die Anforderungen nach [AIAG MSA] und ist bzgl. Verfahren 2 unmittelbar konform.

Im vorliegenden Heft werden vorzugsweise genormte Begriffe verwendet (siehe Kapitel "Begriffe"), die durch ihre Definition und internationale Anerkennung auch im Rechtsfall zur Eindeutigkeit beitragen.

ANMERKUNG: Die Definitionen diverser genormter Begriffe unterscheiden sich in aktuell gültigen Normen nur in Nuancen, d.h. diese Begriffe sind in der Praxis synonym. In solchen Fällen wird im vorliegenden Text derjenige Begriff verwendet, der im jeweiligen Zusammenhang gängigem Sprachgebrauch entspricht (Beispiel: Messsystem, Messeinrichtung, Messmittel, Messgerät).

Der Nachweis der Fähigkeit und die Überwachung der Stabilität von Messprozessen sollen sicherstellen, dass eine Messeinrichtung am Einsatzort ein Qualitätsmerkmal mit hinreichend geringer systematischer Messabweichung und Messwertstreuung (jeweils bezogen auf die Merkmalstoleranz) messen kann. Die dazu verfügbaren Verfahren für kontinuierliche (variable) Merkmale werden durch Verfahren zur Beurteilung von Prüfprozessen für diskrete (attributive) Merkmale ergänzt. Auf die umfangreiche Beschreibung der zahlreichen Sonderverfahren muss im Rahmen dieses Heftes verzichtet werden.

ANMERKUNG: Verfahren für mehrdimensionale (multivariate) Merkmale werden ergänzt, wenn die entsprechende ISO-Norm verfügbar ist (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Ausgabe von Heft 10 in Vorbereitung).

Das Heft gliedert sich in die Kapitel 1 – 6 mit unverzichtbaren Mindestinformationen für jeden Anwender und den Anhang. Der Anhang enthält Hinweise und Ergänzungen und – soweit Bedarf anhand häufig wiederkehrender Anfragen erkennbar war – Erläuterungen zu theoretischen Grundlagen, die erhöhten Anspruch an das mathematische Verständnis stellen und sich vorzugsweise an Leser mit entsprechendem Informationsbedarf wenden.

Zur Durchführung der Messungen und Prüfungen sind wiederholbar mess- bzw. prüfbare Normale und Serienteile oder Referenzteile als Mess- bzw. Prüfobjekte erforderlich. Erweist sich ein Mess- bzw. Prüfprozess als nicht fähig, sind die Ursachen zu untersuchen. Dabei sind systematische und zufällige Abweichungen der Mess- bzw. Prüfeinrichtung sowie der Einfluss der Mess- und Prüfobjekte und der Prüfer zu ermitteln. Messhilfsmittel, Aufnahmevorrichtungen sowie Mess- und Prüfstrategie und Umgebungsbedingungen haben ebenfalls Einfluss.

Statistische Auswertungen sind mit Hilfe geeigneter Statistik-Software (z. B. solara.MP®) durchzuführen. Dabei sind die Verfahren 2 und 3 vorzugsweise mittels Varianzanalyse (ANOVA) auszuwerten. Werden in Ausnahmefällen Auswertungen manuell durchgeführt und dabei Zwischenergebnisse gerundet, was grundsätzlich vermieden werden sollte, und/oder die nicht mehr zeitgemäße Spannweitenmethode (ARM) eingesetzt, können Abweichungen von den Ergebnissen software-gestützter Auswertungen und den Auswertebeispielen auftreten.

2 Anwendungsbereich

Voraussetzung ist eine sorgfältig und qualifiziert durchgeführte und dokumentierte Prüfplanung [CDQ 0301].

Der Fähigkeitsnachweis ist durch Messungen und Prüfungen am Einsatzort der Mess- bzw. Prüfeinrichtung und statistische Auswertungen zu erbringen. Er ist nur für Mess- und Prüfeinrichtungen sinnvoll, die (z. B. im Fertigungsfluss) eine hinreichend große Anzahl gleichartiger, wiederkehrender Messungen bzw. Prüfungen durchführen und gilt ausschließlich für das untersuchte Merkmal. Werden mit derselben Messoder Prüfeinrichtung Messungen bzw. Prüfungen an unterschiedlichen Merkmalen durchgeführt, ist für jedes Merkmal ein eigener Fähigkeitsnachweis erforderlich.

Fähigkeitsnachweis bei Messprozessen für kontinuierliche (variable) Merkmale:

- Die Erfüllung der Fähigkeitskriterien nach Verfahren 1 ist im Regelfall Voraussetzung für die Durchführung von einem oder mehreren Verfahren der Verfahren 2 5.
- Bei möglichem Bedienereinfluss ist die Messprozessfähigkeit im Regelfall mittels Verfahren 1 in Verbindung mit Verfahren 2 nachzuweisen, bei fehlendem Bedienereinfluss mittels Verfahren 1 in Verbindung mit Verfahren 3.
- Falls die Linearität nicht bereits vom Hersteller bzw. im Rahmen der periodischen Kalibrierung des Messmittels hinreichend nachgewiesen wurde und diese für den betrachteten Anwendungsfall von besonderer Bedeutung ist, ist zusätzlich eine Linearitätsuntersuchung nach Verfahren 4 durchzuführen.
- Verfahren 5 ist zusätzlich für Messprozesse mit voraussichtlich nicht ausreichend stabilem Langzeitverhalten vorzusehen, da sich die Fähigkeitsaussagen der Verfahren 1 – 4 auf den Zeitpunkt der Untersuchung beziehen.



Bei häufig wechselnden Messaufgaben (z.B. in Entwicklungs- und Versuchsabteilungen) werden anstelle von Fähigkeiten vorzugsweise Messunsicherheiten ermittelt. Sind Konformitätsaussagen nach [ISO 14253] erforderlich, ist die Ermittlung von Messunsicherheiten anstelle von oder zusätzlich zu Fähigkeitsnachweisen unverzichtbar.

Um die Genauigkeit und Rückführbarkeit auf internationale Normale sicherzustellen, unterliegen Messund Prüfmittel einer Eingangsprüfung und sind anschließend in die Prüfmittelüberwachung aufzunehmen und in vorgegebenen Intervallen wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen [CDQ 1001], bei denen die Ermittlung systematischer Messabweichungen erfolgt (z. B. nach [VDI 2618], [VDI 2622]). Maßgeblich ist die korrekte Justage nach Herstellervorgaben.

Ergebnisse von Messungen sind stets mit einer Unsicherheit behaftet. Bei der Kalibrierung und Überwachung von Messmitteln gemäß [ISO 10012] ist deshalb die Angabe der Messunsicherheit gefordert. Die Messunsicherheit ist mit anderen Verfahren zu ermitteln, z. B. nach [Heft 8] oder [GUM].

Die Anwendung der Verfahren 1-4 ist bei einigen Messgrößen, wie z. B. Härte und Drehmoment, sowie bei inhomogenen Messobjekten und Erzeugnismerkmalen mit nur einem oberen oder unteren Grenzwert nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Die statistischen Auswertungen der Verfahren 1-5 basieren auf normalverteilten Messwerten. Andernfalls sind die Verfahren in der nachstehend beschriebenen Form nicht oder nicht unmittelbar anwendbar.

Zum Nachweis der Fähigkeit von Prüfeinrichtungen zur Bewertung diskreter (attributiver) Merkmale stehen die Verfahren 6 und 7 zur Verfügung.

Sind Verfahren nach der vorliegenden Ausgabe von Heft 10 begründet nicht anwendbar, sind weitere Verfahren nach [AIAG MSA] auf ihre Anwendbarkeit zu prüfen und einzusetzen. Sind auch diese Verfahren weder unverändert noch modifiziert anwendbar, sind Verfahren aus der Fachliteratur auf ihre Anwendbarkeit oder geeignete Modifizierbarkeit zu prüfen und einzusetzen. In Ausnahmefällen sind eigene Verfahren zu entwickeln. Das vorgesehene Verfahren ist zu dokumentieren und mit dem QM-Bereich und dem Kunden abzustimmen.

ANMERKUNG: Im Fall vertraglicher Vereinbarungen mit Lieferanten sowie internen oder externen Kunden, wird empfohlen, die Anwendbarkeit der Verfahren <u>vorher</u> qualifiziert zu prüfen und ggf. zu spezifizieren. Von unpräzisen Pauschalvereinbarungen wie z. B. "Fähigkeitsnachweis nach Heft 10" wird abgeraten.

Hinweise zur Dokumentation

Zu jedem Fähigkeitsnachweis ist eine entsprechende Dokumentation erforderlich, die über die in den Standardformblättern enthaltenen Informationen zu den jeweiligen Auswertungen hinausgehen können. Erforderliche Mindestangaben sind:

- eindeutige Identifikation des Prüfplans (z. B. Nummer, Bezeichnung, Version, Datum) mit genauer Beschreibung der Mess- oder Prüfeinrichtung, der Mess- bzw. Prüfmethode, der Mess- bzw. Prüfposition usw.
- zu Beginn und Ende der Messungen und Prüfungen jeweils Datum, Uhrzeit, möglichst Umgebungstemperatur und bedarfsweise Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Lichtstärke bei Sichtprüfungen usw.
- bei Normalen die eindeutige Identifikation (z. B. Nummer) des Kalibrierscheins und/oder der Referenzwert, die Unsicherheit der Kalibrierung, der Zeitpunkt der letzten Kalibrierung, der Name des Kalibrierlabors;
- Identifikation des/der Ausführenden (Bediener, Prüfer) und des/der Verantwortlichen entweder in Form von ID-Codes oder der Namen;

ANMERKUNG: Ggf. standortspezifische Vorgaben zu personenbezogenen Daten sind zu beachten;

- alle Mess- und Prüfergebnisse (z. B. in tabellarischer Form), die für die Auswertung herangezogen werden;
- vorgegebene Grenzwerte;
- Angaben zur Auswertestrategie (z. B. solara.MP®, Bosch 2018, ANOVA), Berechnungsformeln usw.
- Ergebnisse der Auswertung (z. B. Fähigkeitsindizes) mit Bewertung (z. B. "fähig", "nicht fähig");
- ggf. besondere Vorkommnisse während der Fähigkeitsuntersuchung.

Es muss sichergestellt werden, dass diese Informationen jedem Fähigkeitsnachweis in eindeutiger Weise zugeordnet sind und im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Sofern diese Informationen in den Standardformblättern nicht enthalten sind (z. B. weil keine entsprechenden Felder zur Verfügung stehen) sind diese Angaben in Feldern wie z. B. "Bemerkungen" oder "Kommentare" eindeutig zu dokumentieren. Alternativ können in diese Felder eindeutige Verweise auf getrennte Dokumente eingetragen werden (z. B. Nummer, Bezeichnung, Version, Datum), die diese Informationen enthalten.

ANMERKUNG: Die in diesem Heft dargestellten Standardformblätter entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Ausgabe von Heft 10. Der aktuelle Stand (z. B. in der Software solara.MP®) kann weiterentwickelt sein und von diesen Formblättern abweichen.



3 Ablaufdiagramme

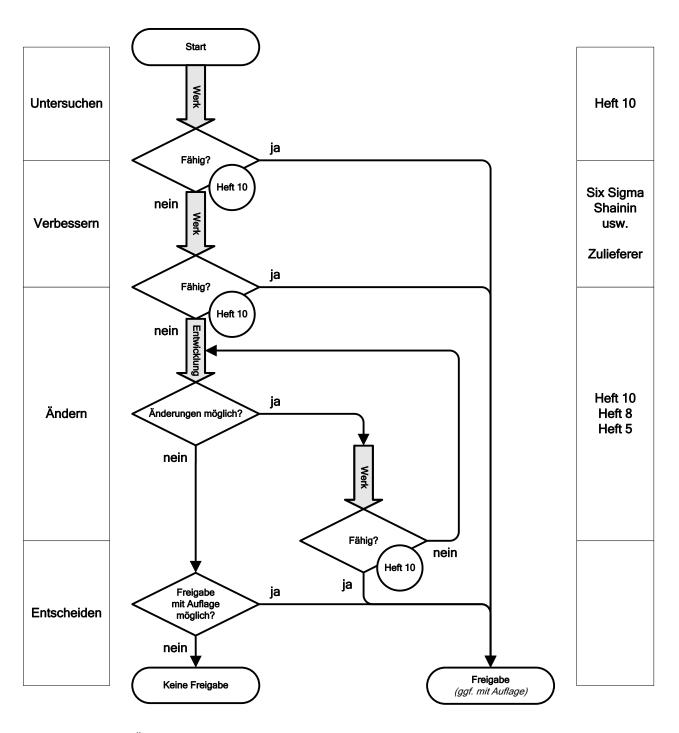


Abb. 1: Übersicht Ablaufphasen und Zuständigkeiten bei Fähigkeitsuntersuchungen



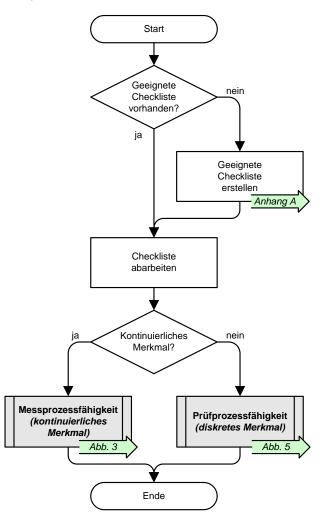


Abb. 2: Übergeordneter Ablauf Mess- und Prüfprozessfähigkeitsuntersuchungen (Ebene 1)

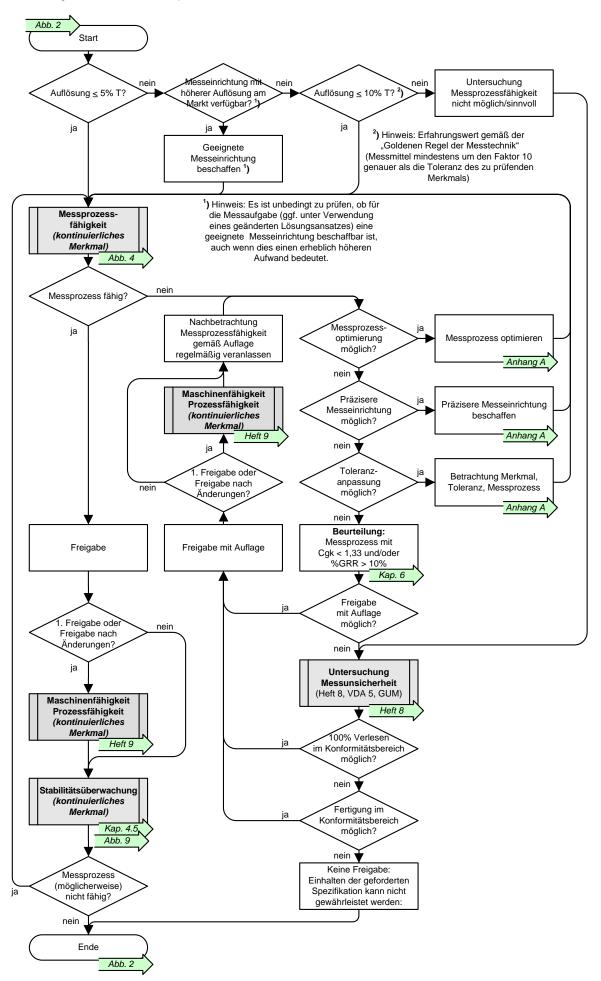


Abb. 3: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung bei kontinuierlichen Merkmalen (Ebene 2)



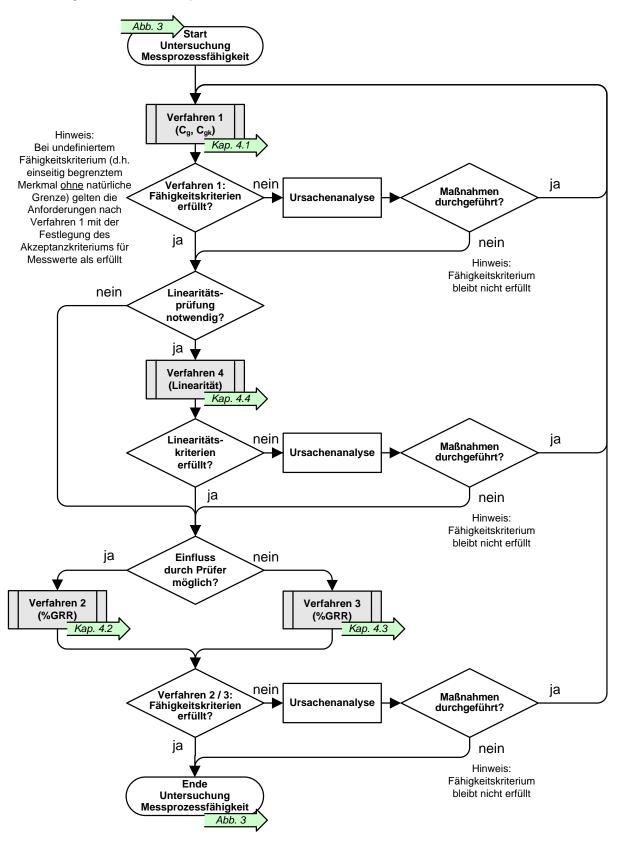


Abb. 4: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung bei kontinuierlichen Merkmalen (Ebene 3)



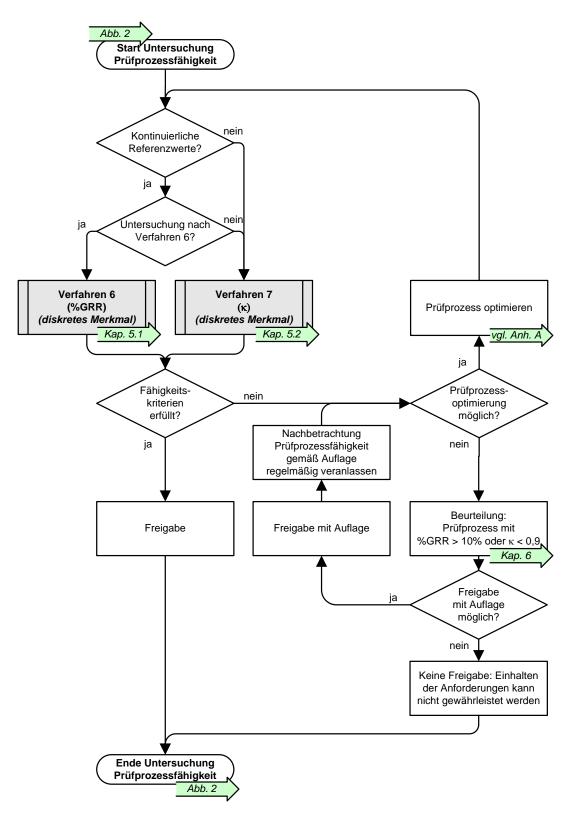


Abb. 5: Ablauf Prüfprozessfähigkeitsuntersuchung bei diskreten Merkmalen (Ebene 2) *ANMERKUNG: Hinweise zur Stabilitätsüberwachung bei diskreten Merkmalen siehe Kap. 5.3.*



4 Verfahren zum Nachweis der Messprozessfähigkeit anhand kontinuierlicher Merkmale

4.1 Verfahren 1: Systematische Messabweichung und Wiederholbarkeit

Ziel

Nachweis der Fähigkeit eines Messprozesses (als Prüfprozess für ein bestimmtes Merkmal) bezüglich Lage und Streuung der Messwerte im Toleranzfeld dieses Merkmals.

ANMERKUNG 1: Verfahren 1 ist kein Bestandteil von [AIAG MSA], sondern eine konsequente Erweiterung der in [AIAG MSA] beschriebenen Analyse der systematischen Messabweichung (engl. Bias), die die Mindestanforderungen nach [AIAG MSA] beinhaltet. Verfahren 1 ist – in teilweise leicht abweichenden Varianten – Bestandteil der internen Richtlinien zahlreicher Automobilhersteller und wird von diesen eingefordert.

ANMERKUNG 2: Verfahren 1 ist zeitlich vor Verfahren 2 bzw. 3 durchzuführen. Falls bei baugleichen Messeinrichtungen die Eignung nach Verfahren 1 an einer dieser Messeinrichtungen bereits nachgewiesen wurde, ist zu bewerten, ob die Durchführung von Verfahren 1 für die übrigen Messeinrichtungen ebenfalls erforderlich ist.

Voraussetzungen

Verfahren 1 erfordert zweiseitig begrenzte Erzeugnismerkmale mit einem unteren und einem oberen Grenzwert (UGW und OGW), so dass die Toleranz T = OGW – UGW definiert ist. Bei einseitig begrenzten Merkmalen, bei denen nur ein Grenzwert spezifiziert ist (UGW oder OGW), jedoch eine untere oder obere *natürliche* Grenze existiert (UGW* bzw. OGW*), wird ersatzweise die Größe T* = OGW – UGW* bzw. T* = OGW* – UGW verwendet.

ANMERKUNG: Unter einer natürlichen Grenze versteht man eine Grenze, die aus physikalischen Gründen prinzipiell nicht unter- oder überschritten werden kann. Beispielsweise kann die Breite einer Fuge oder die Rauheit einer Oberfläche nicht kleiner als 0 werden, so dass 0 einen natürlichen Grenzwert UGW* = 0 darstellt.

Existiert hingegen nur ein spezifizierter Grenzwert und <u>keine</u> natürliche Grenze, dann existiert weder eine Toleranz T noch die Größe T*, d.h. die Kenngrößen C_g und C_{gk} können nicht berechnet werden (siehe nachstehenden Abs. "*Hinweise zu Verfahren* 1" bzgl. Vorgehen in diesem Fall).

Verfahrensbeschreibung

Verfahren 1 wird mit einem kalibrierten Normal durchgeführt, das 50-mal, mindestens aber 25-mal gemessen wird. Der Referenzwert x_m des Normals soll möglichst in der Mitte des Toleranzbereichs T des Merkmals liegen, das mit der Messeinrichtung gemessen werden soll. Die Messungen nach Verfahren 1 sollen an den Messstellen erfolgen, die z. B. im Prüfplan festgelegt sind.

Aus den Messwerten wird die Abweichung vom Referenzwert $\bar{x} - x_m$ (systematische Messabweichung, engl. Bias) und die Standardabweichung s der Messwerte ermittelt. Daraus werden die Fähigkeitsindizes C_g und C_{gk} berechnet.

Anforderungen an das Normal

Das Normal muss bei Messungen unter Wiederholbedingungen ein eindeutiges Messergebnis zulassen und langzeitstabil sein. Es muss das gleiche Merkmal wie die später mit der Messeinrichtung zu messenden Erzeugnisteile besitzen. Das Normal kann aus einem Erzeugnisteil hergestellt sein. Es muss eindeutig als Normal gekennzeichnet, geeignet kalibriert und in die Prüfmittelüberwachung einbezogen sein. Die Kalibrierung liefert den rückgeführten richtigen Wert für das jeweilige Merkmal des kalibrierten Teils (vgl. [CDQ 1001]).

Die in der Regel im Kalibrierschein dokumentierte Unsicherheit der Kalibrierung U_{kal} des Normals sollte deutlich kleiner sein, als die Zeichnungstoleranz T für das zu prüfende Erzeugnismerkmal (Faustregel für den Idealfall: $U_{kal} < 0.01 \cdot T$; mindestens sollte $U_{kal} < 0.1 \cdot T$ eingehalten werden).

Ist kein entsprechendes Normal verfügbar oder die Kalibrierung eines solchen Normals nicht möglich, ist die Prüfung nach Verfahren 1 nicht durchführbar (vgl. Kap. 2, letzter Absatz).

Durchführung der Messreihen

Die Messreihe ist so durchzuführen, wie sie die Realität der späteren Messungen an Erzeugnisteilen am besten widerspiegelt. Alle Einflüsse, die dort wirken (mit Ausnahme des Einflüsses der Teilestreuung), sollen – soweit möglich – auch bei der Durchführung von Verfahren 1 wirken. Die Geräteeinstellungen (z. B. Messtaster, Tastkraft, eingestellter Messbereich, Auswerteparameter) und Hilfsmittel sollen möglichst identisch mit der Serienmessung gewählt werden. Bei der Handhabung ist darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen Messungen der Messreihe alle Handhabungsschritte vollständig ausgeführt werden. Das bedeutet, dass das Normal vor jeder Messung aus der Aufspannung herausgenommen und wieder neu eingelegt / eingespannt werden muss. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Abweichung



von dem beschriebenen Vorgehen zulässig. Die Gründe hierfür sind mit der Fähigkeitsuntersuchung zu dokumentieren. Sämtliche Parameter und Einstellungen sind ebenfalls zu dokumentieren.

Auswertung

Auszuwertende Daten:

Toleranz des zu T = OGW - UGW Referenzwert des Normals:

Anzahl Messwerte (Stichprobenumfang): Nesswerte: x_i (i = 1 ... n)

Erforderliche Berechnungen:

Mittelwert der Messwerte: $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$ Standardabweichung der Messwerte: $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 }$

Potentieller Fähigkeitsindex: $C_g = \frac{0.2 \cdot T}{6 \cdot s}$ Kritischer Fähigkeitsindex: $C_{gk} = \frac{0.1 \cdot T - \left| \overline{x} - x_m \right|}{3 \cdot s}$

Die Auswertung wird vorzugsweise mit Hilfe einer geeigneten Statistik-Software (z. B. solara.MP®) durchgeführt und dokumentiert.

Fähigkeitskriterium

Einhaltung der vorgegebenen Mindestwerte für C_g und C_{gk} . Maßgeblich für die Mindestwerte ist [CDQ 0301] in der jeweils gültigen Fassung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Ausgabe von Heft 10 gelten $C_g \ge 1,33$ und $C_{gk} \ge 1,33$.

Hinweise zu Verfahren 1

- [AIAG MSA] empfiehlt, die Signifikanz systematischer Messabweichungen $|\bar{x} x_m|$ zu überprüfen. Einzelheiten siehe Anhang C.1.
- Bei einseitig begrenzten Merkmalen <u>ohne</u> natürliche Grenze (UGW* oder OGW*) werden aus den vorliegenden Messdaten lediglich die systematische Messabweichung x̄ - x_m und die Standardabweichung s ermittelt und damit der Akzeptanzbereich für <u>jeden einzelnen Messwert z</u> festgelegt, der später während des Fertigungsprozesses gemessen wird:

 $z \le OGW + (\overline{x} - x_m) - 4 \cdot s = OGW_0$ für einseitig oben begrenzte Merkmale,

 $z \ge UGW + (\bar{x} - x_m) + 4 \cdot s = UGW_0$ für einseitig unten begrenzte Merkmale.

Für die praktische Anwendung (z. B. in der Fertigung) bedeutet dies, dass anstelle von OGW der (in der Regel) kleinere kritische Grenzwert OGW₀ zu verwenden ist bzw. anstelle von UGW der (in der Regel) größere kritische Grenzwert UGW₀.

ANMERKUNG 1: Die genaue Lage des Referenzwertes x_m des Normals ist nicht maßgeblich. Es wird jedoch empfohlen, ein Normal mit x_m in der Nähe des jeweiligen Grenzwertes zu verwenden, Abweichung ca. 10% von OGW bzw. UGW ($x_m \approx 0.9 \cdot \text{OGW} \dots 1.1 \cdot \text{OGW}$ bzw. $x_m \approx 0.9 \cdot \text{UGW} \dots 1.1 \cdot \text{UGW}$).

ANMERKUNG 2: Es wird dringend empfohlen, bei Merkmalen dieses Typs zusätzlich die Signifikanz der Messabweichung zu bewerten (vgl. Anhang C.1) und evtl. auch die Linearität (vgl. Anhang E). Dies gilt insbesondere, wenn stark streuende Messergebnisse zu erwarten sind (z. B. bei Abreißkräften) sowie im Fall von Kundenforderungen bzgl. strikten Vorgehens nach [AIAG MSA].

ANMERKUNG 3: Bei den Termen $\bar{x} - x_m$ ist unbedingt zu beachten, dass diese mit Vorzeichen (und nicht als Beträge) in die Berechnung eingehen. Aufgrund der einseitigen Grenze ist es maßgeblich, ob der Referenzwert x_m des Normals (d.h. der richtige Wert) kleiner oder größer ist als der Mittelwert der Messwerte x_i .

ANMERKUNG 4: Bei insignifikanter systematischer Messabweichung kann der Term $\bar{x} - x_m$ in den Akzeptanzkriterien entfallen.

ANMERKUNG 5: Die Terme 4s in den Akzeptanzkriterien repräsentieren Anforderungen analog $C_g \ge 1,33$ und $C_{gk} \ge 1,33$. Bei höheren Anforderungen wie z. B. $C_g \ge 1,67$ und $C_{gk} \ge 1,67$ sind die Terme 4s durch 5s zu ersetzen, bei $C_g \ge 2,00$ und $C_{gk} \ge 2,00$ durch 6s.

ANMERKUNG 6: Ein Formblatt zur Dokumentation wird im Anhang B, Seite 42, bereitgestellt.

Einzelheiten bzgl. Festlegung der Akzeptanzkriterien siehe Anhang C.3.



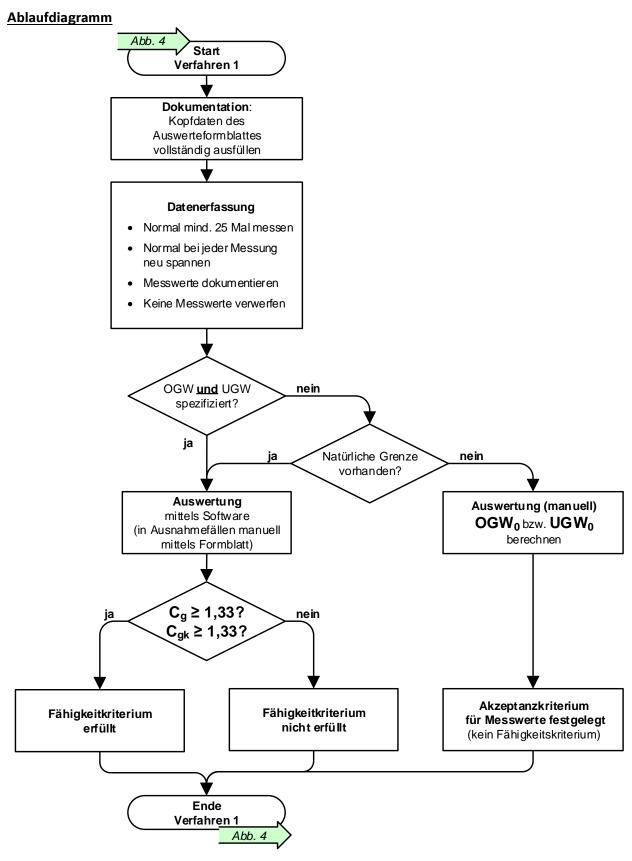


Abb. 6: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 1 (Ebene 4)



BOSCH

Messsystemanalyse Verfahren 1

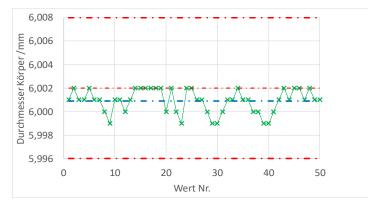
Blatt

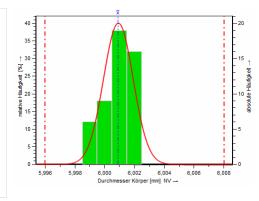
t 1/1

Paaren Körper/Nadel MSE3 Durchmesser Körper Bereich Arbeitsgang Merkmalsbez. Gruppe/Abt. MOE7 Masch.-Bez. PAKO 9 Merkmal Nr. Werkstatt/Ber. : W450 1003521 Nennmaß 6,000 Masch.-Nr. Erzeugnis Düse Prüfplatz JML0583W001 Unt. Abmaß -0,030 Lochdüse Prüfmittel JML0583W003 Ob. Abmaß 0,030 Sachnummer 0 433 171 914 Prfm.-Nr. 6702779470004 Toleranz 0,060 Änd.-Stand 20.01.2019 Prfm.-Herst. BaP Einheit mm Auflösung 0,001

Kommentar : Manuelle Handhabung; Raumtemperatur 20,2 °C

Normal Be	z.: LY_001	0W134#95	Normal Nr.:	6702780329	9 Normal-/Re	eferenzwert:	6,002 Kalib	rierunsiche	rheit: 0,0002
i	Xi	i	Xi	i	Xi	i	Xi	i	x _i
1	6,001	11	6,001	21	6,002	31	6,000	41	6,000
2	6,002	12	6,000	22	6,000	32	6,001	42	6,001
3	6,001	13	6,001	23	5,999	33	6,001	43	6,002
4	6,001	14	6,002	24	6,002	34	6,002	44	6,001
5	6,002	15	6,002	25	6,002	35	6,001	45	6,002
6	6,001	16	6,002	26	6,001	36	6,001	46	6,002
7	6,001	17	6,002	27	6,001	37	6,000	47	6,001
8	6,000	18	6,002	28	6,000	38	6,000	48	6,002
9	5,999	19	6,002	29	5,999	39	5,999	49	6,001
10	6,001	20	6,000	30	5,999	40	5,999	50	6,001





Z	Zeichnungswerte			Gemessen	e Werte	S	Statistisch	e Werte
x _m + 0,1 * T	=	6,008	x _{max g}	=	6,002	$\overline{x}_g + 3 * s_g$	=	6,00388
X _m	=	6,002	∣B _i ∣	=	0,0011000	x _g	=	6,00090
x _m - 0,1 * T	=	5,996	X _{min g}	=	5,999	$\overline{x}_g + 3 * s_g$	=	5,99792
0,2 * T	=	0,012	R_g	=	0,003	6 s _g	=	0,00597
Т	=	0,060	n _{ges}	=	50	s _g	=	0,00099488
Einheit	=	mm						

Test auf systematische Messabweichung (Bias) Testergebnis: signifikant ($\alpha \le 0,1$ %)

				_	Minimale Bezug	gsgröße	f. fähiges Prüfsystem
	$C_{\varsigma} =$	$1,61 \leq 2,01 \leq 2,41$	0	1,33	T _{min (Cg)}	=	0,039701
	C _g =	1,30 ≤ 1,64 ≤ 1,98	0	1,33	T _{min (Cgk)}	=	0,050696
Auflösung	%RE =	1,67 %	0	5	T _{min (RE)}	=	0,020000

Prüfsystem fähig (RE, C_g , Cgk)

Bosch 2018 — Verfahren 1



4.2 Verfahren 2: Wiederhol- und Vergleichpräzision (Gage R&R) mit Bedienereinfluss

Ziel

Nachweis der Fähigkeit eines Messprozesses (als Prüfprozess für ein bestimmtes Merkmal) bezüglich seines Streuverhaltens anhand von Messungen an Serienteilen.

Voraussetzungen

Vor Anwendung von Verfahren 2 sollte geprüft werden, ob ein Bedienereinfluss auf die Messergebnisse tatsächlich zu erwarten ist oder ob evtl. Verfahren 3 einsetzbar ist (Alternative zu Verfahren 2 bei fehlendem Bedienereinfluss, siehe Kap. 4.3). Bedienereinfluss ist beispielsweise zu erwarten, wenn

- die Messung manuell ausgeführt wird (z. B. Messungen mit einem Messschieber),
- der Messablauf nicht automatisiert (z. B. als CNC-Programm) ausgeführt wird,
- die Auswertung der Rohdaten vom Bediener beeinflusst wird (z. B. Festlegung von Gültigkeitsbereichen eines gemessenen Konturprofils),
- kein Spannmittel vorhanden ist, in dem die Messobjekte in eindeutig reproduzierbarer Lage aufgenommen werden.
- ein Spannmittel zwar vorhanden ist, die Spannkräfte aber von der Kraft abhängen mit der der Bediener das Spannmittel bedient.

Eine eindeutige, allgemeingültig für alle Praxisfälle zutreffende Abgrenzung ist nicht möglich. Die Entscheidung muss grundsätzlich im Einzelfall getroffen werden.

Verfahrensbeschreibung

Die Untersuchung wird mit mindestens 10 (n \geq 10) wiederholbar messbaren, zufällig ausgewählten Serienteilen als Messobjekten durchgeführt, deren Merkmalswerte möglichst innerhalb des Toleranzbereichs liegen. Dabei sollen alle Einflüsse wirken, die auch im späteren Einsatz der Messeinrichtung wirken. Die ausgewählten Serienteile werden in zufälliger Reihenfolge von mindestens drei (k \geq 3) Bedienern in mindestens zwei (r \geq 2) Messreihen unter Wiederholbedingungen (z. B. an den im Prüfplan definierten Messpunkten, vgl. auch Kap. "Begriffe") gemessen. Nach Abschluss der ersten Messreihe misst jeder Bediener dieselben Serienteile erneut in zufälliger Reihenfolge. Sofern weitere Messreihen vorgesehen sind, wird das Vorgehen in gleicher Weise wiederholt bis alle Messreihen abgeschlossen sind. Dabei darf die nächste Messreihe nicht vor Abschluss der vorherigen Messreihe begonnen werden. Die Messergebnisse werden dokumentiert.

Die Messergebnisse werden vorzugsweise mit Hilfe einer Statistik-Software (z. B. solara.MP®) nach der ANOVA-Methode ausgewertet (vgl. Anhang D.2). Manuelle Auswertungen mit Hilfe von Formblättern nach der Average-Range-Methode (ARM, vgl. Anhang D.3) sind ebenso wie entsprechende ARM-Auswertungen mittels Software nicht mehr zeitgemäß und werden grundsätzlich nicht empfohlen.

Stehen keine entsprechenden Serienteile für die Messung zur Verfügung, ist das Verfahren nicht durchführbar. Stattdessen sind geeignete Sonderverfahren erforderlich und zu dokumentieren (vgl. Kap. 2, letzter Absatz).

Fähigkeitskriterium

Einhaltung des vorgegebenen Grenzwertes für die Gesamtstreuung %GRR des Messprozesses. Maßgeblich für den Grenzwert ist [CDQ 0301] in der jeweils gültigen Fassung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Ausgabe von Heft 10 gelten folgende Grenzen:

%GRR ≤ 10% Messprozess (als Prüfprozess) fähig,

10% < %GRR ≤ 30% Messprozess (als Prüfprozess) bedingt fähig,

%GRR > 30%
 Messprozess (als Prüfprozess) nicht fähig (ungeeignet).

ANMERKUNG: Bezugsgröße für %GRR ist die Toleranz T des gemessenen Merkmals, d.h.

$$\%GRR = \frac{6 \cdot GRR}{T} \cdot 100\%;$$

siehe auch nachstehende Hinweise und Anhang D.2 bzgl. Berechnung.

Wird die Fähigkeit nicht erreicht, liegt die Ursache nicht zwingend im Messmittel begründet. Die Ursache kann z. B. auch in der Inhomogenität des Merkmals der Erzeugnisteile liegen. Dies ist zu analysieren.



Ablaufdiagramm

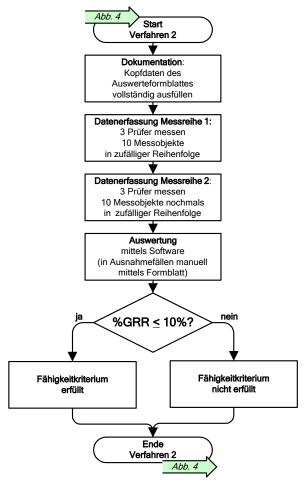


Abb. 7: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 2 (Ebene 4)

Hinweise

- [AIAG MSA] empfiehlt drei (r = 3) Messungen je Serienteil.
- Bei einseitig begrenzten Merkmalen ist die Toleranz T nicht definiert. Existiert zusätzlich zum spezifizierten Grenzwert eine natürliche (d.h. physikalisch bedingte) Unter- oder Obergrenze, ist zu prüfen, ob die Größe T* anstelle der Toleranz T verwendbar ist (vgl. Kap. 4.1, Abs. "Voraussetzungen"). Ist dies nicht der Fall oder existiert keine natürliche Grenze, wird GRR auf die Gesamtstreubreite TV (engl. <u>t</u>otal <u>v</u>ariation, Definition siehe Anhang D.2) bezogen:

$$%GRR = \frac{GRR}{TV} \cdot 100\% = \frac{GRR}{\sqrt{GRR^2 + PV^2}} \cdot 100\%.$$

- [AIAG MSA] empfiehlt die Gesamtstreubreite TV grundsätzlich als Bezugsgröße für GRR.
- [AIAG MSA] empfiehlt die Kenngröße ndc (engl. number of distinct categories) als zusätzliches Fähigkeitskriterium, die nicht kleiner als 5 werden soll (Einzelheiten siehe Anhang D.1): $ndc = \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} = 1,41 \cdot \frac{\%PV}{\%GRR} \ge 5 .$

$$ndc = \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} = 1,41 \cdot \frac{\%PV}{\%GRR} \ge 5$$
.

- Bei den vorstehenden Empfehlungen nach [AIAG MSA] ist unbedingt zu berücksichtigen, ob Kundenforderungen bzgl. strikter Einhaltung der Empfehlungen nach [AIAG MSA] bestehen. Im Zweifelsfall sollten diese Empfehlungen eingehalten werden.
- In Ausnahmefällen kann %GRR mit einer geringeren Anzahl Messobjekte ermittelt werden (z. B. wenn Messeinrichtungen für einen Neuanlauf beschafft werden und zum Zeitpunkt der Abnahme noch nicht genügend Muster zur Verfügung stehen). Die Gründe sind zu dokumentieren (Einzelheiten siehe Anhang D.5).



BOSCH

Messsystemanalyse Verfahren 2

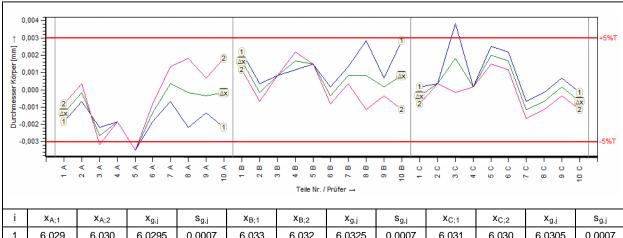
Blatt

1/1

: MSE3 Paaren Körper/Nadel Merkmalsbez. Durchmesser Körper Bereich Arbeitsgang : MOE7 Gruppe/Abt. Masch.-Bez. PAKO 8 Merkmal Nr. : 1 Werkstatt/Ber. : W450 1004537 Nennmaß 6,000 Masch.-Nr. Erzeugnis Prüfplatz JML0583W004 Unt. Abmaß -0,030 : Lochdüse Prüfmittel JML0563W001 Ob. Abmaß 0,030 Sachnummer : 0 433 171 914 Prfm.-Nr. 6702779430001 Toleranz 0,060 Änd.-Stand 20.01.2019 Prfm.-Herst. BaP Einheit mm Auflösung 0,001

Kommentar Manuelle Handhabung; Raumtemperatur 20,3 °C

Normal Bez.: Normal Nr.: Normal-/Referenzwert:



i	X A;1	X _{A;2}	$x_{g,j}$	$s_{g,j}$	x _{B;1}	X B;2	$x_{g,j}$	$s_{g,j}$	X _{C;1}	X _{C;2}	$x_{g,j}$	$s_{g,j}$
1	6,029	6,030	6,0295	0,0007	6,033	6,032	6,0325	0,0007	6,031	6,030	6,0305	0,0007
2	6,019	6,020	6,0195	0,0007	6,020	6,019	6,0195	0,0007	6,020	6,020	6,0200	0,0000
3	6,004	6,003	6,0035	0,0007	6,007	6,007	6,0070	0,0000	6,010	6,006	6,0080	0,0028
4	5,982	5,982	5,9820	0,0000	5,985	5,986	5,9855	0,0007	5,984	5,984	5,9840	0,0000
5	6,009	6,009	6,0090	0,0000	6,014	6,014	6,0140	0,0000	6,015	6,014	6,0145	0,0007
6	5,971	5,972	5,9715	0,0007	5,973	5,972	5,9725	0,0007	5,975	5,974	5,9745	0,0007
7	5,995	5,997	5,9960	0,0014	5,997	5,996	5,9965	0,0007	5,995	5,994	5,9945	0,0007
8	6,014	6,018	6,0160	0,0028	6,019	6,015	6,0170	0,0028	6,016	6,015	6,0155	0,0007
9	5,985	5,987	5,9860	0,0014	5,987	5,986	5,9865	0,0007	5,987	5,986	5,9865	0,0007
10	6,024	6,028	6,0260	0,0028	6,029	6,025	6,0270	0,0028	6,026	6,025	6,0255	0,0007

	Varianz	Standardabw.		Vertr	aue	ensniveau 1 -	α =	95%			
Wiederholpräzision	0,00000235560	0,0015348	EV:	0,0012799	≤	0,0015348	≤	0,0019174	%EV	=	15,35%
Vergleichpräzision	0,00000086806	0,00093169	AV:	0,00035980	≤	0,00093169	≤	0,0062290	%AV	=	9,32%
Wechselwirkung	pooling	pooling	IA:		≤		≤		%IA	=	
Prüfsystemstreuung	0,0000032236	0,0017954	GRR:	0,0015827	≤	0,0017954	≤	0,0064169	%GRR	=	17,95%
Teilestreuung	0,00038084	0,019515	PV:	0,0126070	≤	0,0195150	≤	0,0364050	%PV	=	195,15%
Gesamtstreuung	0,00038406	0,019598	TV:			0,020					

Versuchs	plan		Bezugsgröß	Se		
Anzahl der Messungen	=	2	Prozessstreuung	=	0	
Anzahl der Prüfer	=	3	Toleranz	=	0,060	
Anzahl der Teile	=	10	geforderter Cp-Wert	=		

Auflösung	%RE	=	1,67%	0	5	i			
Zahl der unterscheidbaren Messwertklassen (ndc)	ndc	=	15	0	5				
Prüfsystemstreuung	%GRR	=	17,95%	0 1	0	30			
Minimale Bezugsgröße für fähiges Prüfsystem	T _{min (%GRR)}	=	0,108						
Minimale Bezugsgröße für bedingt fähiges Prüfsystem	$T_{min(\%GRR)}$	=	0,0359						
Prüfsystem bedingt fähig (RE, %GRR)									

Bosch 2018 — Verfahren 2



4.3 Verfahren 3: Wiederhol- und Vergleichpräzision (Gage R&R) ohne Bedienereinfluss

Ziel

Nachweis der Fähigkeit eines Messprozesses (als Prüfprozess für ein bestimmtes Merkmal) bezüglich seines Streuverhaltens anhand von Messungen an Serienteilen ohne Einfluss von Bedienungspersonal.

ANMERKUNG 1: Verfahren 3 stellt lediglich einen Sonderfall von Verfahren 2 dar.

ANMERKUNG 2: Im Unterschied zu Verfahren 1 bringt Verfahren 3 mögliche Wechselwirkungen zwischen Messverfahren und Messobjekt in die Fähigkeitsbewertung ein. Dabei handelt es sich um den möglicherweise vorhandenen Einfluss der Streuung der Erzeugnisteile auf den Messvorgang sowie des Messvorgangs auf das Verhalten des Erzeugnisteils. Solche Wechselwirkungen, die auf ein unvermeidbares Minimum reduziert sein sollten, sind mit einem Normal im Rahmen von Verfahren 1 nur bedingt erkennbar und können bei hinreichend starker Ausprägung dazu führen, dass Fähigkeit nach Verfahren 1 erreicht wird, nicht aber nach Verfahren 3.

Voraussetzungen

Vor Anwendung von Verfahren 3 ist <u>sorgfältig</u> zu prüfen, ob Bedienereinfluss auf die Messergebnisse tatsächlich ausgeschlossen werden kann. Kein Bedienereinfluss liegt üblicherweise vor, wenn

- die Lage der Messobjekte durch Spannmittel eindeutig vorgegeben ist und die Spannkräfte durch den Bediener nicht beeinflusst werden können,
- der Messablauf und die anschließende Auswertung ohne Bedienereingriff vollautomatisch ablaufen.

Eine eindeutige, für alle Praxisfälle allgemeingültig zutreffende Abgrenzung ist nicht möglich. Die Entscheidung muss grundsätzlich im Einzelfall getroffen werden. Im Zweifelsfall ist Verfahren 2 einzusetzen (siehe Kap. 4.2).

Verfahrensbeschreibung

Die Untersuchung wird mit mindestens 25 (n \geq 25) wiederholbar messbaren, zufällig ausgewählten Serienteilen als Messobjekten durchgeführt, deren Merkmalswerte möglichst innerhalb des Toleranzbereichs liegen. Dabei sollen alle Einflüsse wirken, die auch im späteren Einsatz der Messeinrichtung wirken. Die ausgewählten Serienteile werden in zufälliger Reihenfolge in mindestens zwei (r \geq 2) Messreihen unter Wiederholbedingungen (z. B. an den im Prüfplan definierten Messpunkten, vgl. auch Kap. "Begriffe") gemessen. Nach Abschluss der ersten Messreihe werden dieselben Serienteile erneut in zufälliger Reihenfolge gemessen. Sofern weitere Messreihen vorgesehen sind, wird das Vorgehen in gleicher Weise wiederholt bis alle Messreihen abgeschlossen sind. Dabei darf die nächste Messreihe nicht vor Abschluss der vorherigen Messreihe begonnen werden. Die Messergebnisse werden dokumentiert.

Die Messergebnisse werden vorzugsweise mit Hilfe einer Statistik-Software (z. B. solara.MP®) nach der ANOVA-Methode ausgewertet (vgl. Anhang D.2). Manuelle Auswertungen mit Hilfe von Formblättern nach der Average-Range-Methode (ARM, vgl. Anhang D.3) sind ebenso wie entsprechende ARM-Auswertungen mittels Software nicht mehr zeitgemäß und werden grundsätzlich nicht empfohlen.

Stehen keine entsprechenden Serienteile für die Messung zur Verfügung, ist das Verfahren nicht durchführbar. Stattdessen sind geeignete Sonderverfahren erforderlich und zu dokumentieren (vgl. Kap. 2, letzter Absatz).

Fähigkeitskriterium

Einhaltung des vorgegebenen Grenzwertes für die Gesamtstreuung %GRR des Messprozesses. Maßgeblich für den Grenzwert ist [CDQ 0301] in der jeweils gültigen Fassung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Ausgabe von Heft 10 gelten folgende Grenzen:

%GRR ≤ 10% Messprozess (als Prüfprozess) fähig,

10% < %GRR ≤ 30% Messprozess (als Prüfprozess) bedingt fähig,

%GRR > 30%
 Messprozess (als Prüfprozess) nicht fähig (ungeeignet).

ANMERKUNG: Bezugsgröße für %GRR ist die Toleranz T des gemessenen Merkmals, d.h.

$$\%GRR = \frac{6 \cdot GRR}{T} \cdot 100\%;$$

siehe auch nachstehende Hinweise und Anhang D.2 bzgl. Berechnung.

Wird die Fähigkeit nicht erreicht, liegt die Ursache nicht zwingend im Messmittel begründet. Die Ursache kann z. B. auch in der Inhomogenität des Merkmals der Erzeugnisteile liegen. Dies ist zu analysieren.



Ablaufdiagramm

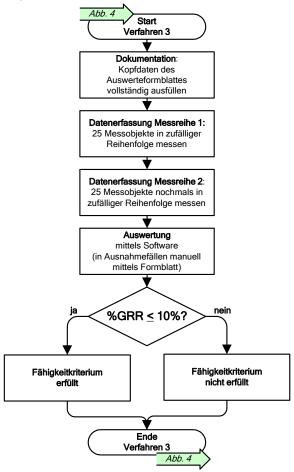


Abb. 8: Ablauf Messprozessfähigkeitsuntersuchung nach Verfahren 3 (Ebene 4)

Hinweise

- [AIAG MSA] empfiehlt drei (r = 3) Messungen je Serienteil.
- Bei einseitig begrenzten Merkmalen ist die Toleranz T nicht definiert. Existiert zusätzlich zum spezifizierten Grenzwert eine natürliche (d.h. physikalisch bedingte) Unter- oder Obergrenze, ist zu prüfen, ob die Größe T* anstelle der Toleranz T verwendbar ist (vgl. Kap. 4.1, Abs. "Voraussetzungen"). Ist dies nicht der Fall oder existiert keine natürliche Grenze, wird GRR auf die Gesamtstreubreite TV (engl. total <u>v</u>ariation, Definition siehe Anhang D.2) bezogen:

$$%GRR = \frac{GRR}{TV} \cdot 100\% = \frac{GRR}{\sqrt{GRR^2 + PV^2}} \cdot 100\%$$
.

- [AIAG MSA] empfiehlt die Gesamtstreubreite TV grundsätzlich als Bezugsgröße für GRR.
- [AIAG MSA] empfiehlt die Kenngröße ndc (engl. number of distinct categories) als zusätzliches Fähigkeitskriterium, die nicht kleiner als 5 werden soll (Einzelheiten siehe Anhang D.1): $ndc = \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} = 1,41 \cdot \frac{\%PV}{\%GRR} \ge 5 .$

$$ndc = \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} = 1.41 \cdot \frac{\%PV}{\%GRR} \ge 5$$
.

- Bei den vorstehenden Empfehlungen nach [AIAG MSA] ist unbedingt zu berücksichtigen, ob Kundenforderungen bzgl. strikter Einhaltung der Empfehlungen nach [AIAG MSA] bestehen. Im Zweifelsfall sollten diese Empfehlungen eingehalten werden.
- In Ausnahmefällen kann %GRR mit einer geringeren Anzahl Messobjekte ermittelt werden (z. B. wenn Messeinrichtungen für einen Neuanlauf beschafft werden und zum Zeitpunkt der Abnahme noch nicht genügend Muster zur Verfügung stehen). Die Gründe sind zu dokumentieren. In diesem Fall muss die Anzahl der Messreihen angepasst werden (Einzelheiten siehe Anhang D.5).



BOSCH

Messsystemanalyse Verfahren 3

Paaren Körper/Nadel

Blatt

Durchmesser Körper

1/1

Bereich : MSE3
Gruppe/Abt. : MOE7
Werkstatt/Ber. : W450
Erzeugnis : Düse
Teil : Lochdüse
Sachnummer : 0 433 171 914

MOE7 Masch.-Bez
W450 Masch.-Nr.
Düse Prüfplatz
Lochdüse Prüfmittel
0 433 171 914 Prfm.-Nr.
20.01.2019 Prfm.-Herst.

 Masch.-Bez.
 : PAKO 9

 Masch.-Nr.
 : 1003521

 Prüfplatz
 : JML0583W001

 Prüfmittel
 : JML0563W003

 Prfm.-Nr.
 : 6702779430004

 Prfm.-Herst.
 : BaP

0,001

 Merkmal Nr.
 : 1

 Nennmaß
 : 6,000

 Unt. Abmaß
 : -0,030

 Ob. Abmaß
 : 0,030

 Toleranz
 : 0,060

 Einheit
 : mm

Merkmalsbez.

Kommentar

6,006

25

6,003

6,0045

0,0021

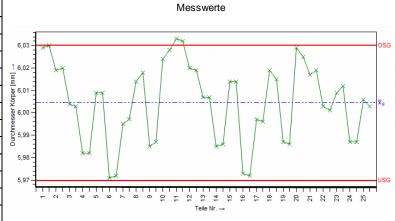
Änd.-Stand

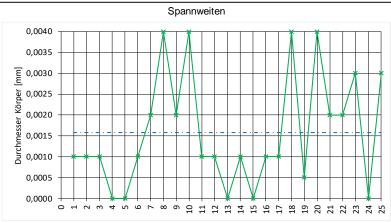
Normal Bez.: Normal Nr.: Normal-/Referenzwert:

Arbeitsgang

Auflösung

Norn	nal Bez.:			Normal I
i	X _{A;1}	X _{A;2}	$x_{g,j}$	$s_{g,j}$
1	6,029	6,030	6,0295	0,0007
2	6,019	6,020	6,0195	0,0007
3	6,004	6,003	6,0035	0,0007
4	5,982	5,982	5,9820	0,0000
5	6,009	6,009	6,0090	0,0000
6	5,971	5,972	5,9715	0,0007
7	5,995	5,997	5,9960	0,0014
8	6,014	6,018	6,0160	0,0028
9	5,985	5,987	5,9860	0,0014
10	6,024	6,028	6,0260	0,0028
11	6,033	6,032	6,0325	0,0007
12	6,020	6,019	6,0195	0,0007
13	6,007	6,007	6,0070	0,0000
14	5,985	5,986	5,9855	0,0007
15	6,014	6,014	6,0140	0,0000
16	5,973	5,972	5,9725	0,0007
17	5,997	5,996	5,9965	0,0007
18	6,019	6,015	6,0170	0,0028
19	5,987	5,987	5,9865	0,0007
20	6,029	6,025	6,0270	0,0028
21	6,017	6,019	6,0180	0,0014
22	6,003	6,001	6,0020	0,0014
23	6,009	6,012	6,0105	0,0021
24	5.987	5.987	5.9870	0.0000





	Varianz	Standardabw.		Verti	aue	nsniveau 1 -	α =	95%			
Wiederholpräzision	0,0000021600	0,0014697	EV:	0,0011526	≤	0,0014697	≤	0,0020288	%EV	=	14,70%
Prüfsystemstreuung	0,0000021600	0,0014697	GRR:	0,0011526	≤	0,0014697	≤	0,0020288	%GRR	=	14,70%
Teilestreuung	0,00031332	0,017701	PV:	0,0126070	≤	0,0177010	≤	0,0266200	%PV	=	177,01%
Gesamtstreuung	0,00038406	0,017762	TV:			0,018					
Varsuchenlan						Bezi	iueu	ıröß e			

Versuchs	plan		Bezugsgröß	е	
Anzahl der Messungen	=	2	Prozessstreuung	=	0
Anzahl der Teile	=	25	Toleranz	=	0,060
			geforderter Cp-Wert	=	

	2/ DE		4.0=0/					
Auflösung	%RE	=	1,67%	0		5		
Zahl der unterscheidbaren Messwertklassen (ndc)	ndc	=	17					
				0		5		
Prüfsystemstreuung	%GRR	=	14,70%	0	10	30		
Minimale Bezugsgröße für fähiges Prüfsystem	T _{min (%GRR)}	=	0,088					
Minimale Bezugsgröße für bedingt fähiges Prüfsystem	$T_{min~(\%GRR)}$	=	0,0294					
Prüfsystem bedingt fähig (%RE, %GRR)								

Prüfsystem bedingt fähig (%RE, %GRR)

Bosch 2018 — Verfahren 3



4.4 Verfahren 4: Linearität

Ziel

Nachweis des hinreichend linearen Zusammenhangs zwischen den zu messenden Werten einer physikalischen Größe und den jeweils zugehörigen, von der Messeinrichtung ermittelten Messwerten. Es wird festgestellt, ob sich die systematischen Messabweichungen der Messeinrichtung in dem für die Messung relevanten Messbereich innerhalb von Grenzen bewegen, die zur Messung des Merkmals akzeptabel sind.

ANMERKUNG: Bei einer <u>idealen</u> Messeinrichtung ist der Ausgabewert (Messwert) stets identisch mit dem am Eingang (z. B. durch ein Normal) eingeprägten Wert der Messgröße. Dies gilt unabhängig davon, ob die Messeinrichtung den Ausgabewert auf einer linearen oder einer nicht linearen (z. B. logarithmischen) Skala darstellt: Beispielsweise müssen 5 Volt am Eingang stets als Ausgabewert 5 Volt erscheinen, 10 Volt am Eingang stets als Ausgabewert 10 Volt usw. Der Begriff "Linearität" bezieht sich ausschließlich auf diesen als Kennlinie darstellbaren Zusammenhang zwischen den Eingangs- und Ausgabewerten. Dieser Zusammenhang ist bei realen Messeinrichtungen nicht streng linear.

Voraussetzungen

Messeinrichtungen unterliegen der Prüfmittelüberwachung [CDQ 1001]. Die Linearität einer Messeinrichtung (in vorstehendem Sinn) wird in der Regel vom Hersteller und anschließend im Rahmen der periodischen Kalibrierung der Messeinrichtung überprüft. Eine zusätzliche Überprüfung im Rahmen von Messprozessfähigkeitsuntersuchungen ist daher in der Regel nicht erforderlich.

In speziellen Anwendungsfällen kann dennoch der Nachweis erforderlich sein, dass sich die Messeinrichtung über den gesamten relevanten Messbereich ausreichend linear verhält. Beispiele sind

- justierbare, einstellbare Verstärkung (Kennlinie),
- logarithmische Skala,
- auf den Endwert bezogene Fehlergrenze.

Durchführung

[AIAG MSA] sieht ein Verfahren zum Nachweis der Linearität der Messeinrichtung (in obigem Sinne) vor. Das Verfahren liefert jedoch nicht unter allen Bedingungen zuverlässige Ergebnisse (vgl. Anhang E.1).

• Sofern nicht ausdrücklich Vorgehen nach [AIAG MSA] gefordert ist, kann stattdessen mit mehreren Normalen, deren Referenzwerte x_i geeignet (z. B. äquidistant) über den relevanten Messbereich verteilt sind, jeweils einmal Verfahren 1 durchgeführt und die Fähigkeit der Messeinrichtung bzgl. jedes Referenzwertes x_i nachgewiesen werden (siehe Kapitel 4.1).

ANMERKUNG 1: Diese Vorgehensweise ist <u>keine</u> Linearitätsuntersuchung in strengem Sinne, sondern lässt nur eine Aussage über die Eignung der Messeinrichtung an den jeweils betrachteten Stellen zu. Über andere Bereiche kann keine Aussage getroffen werden. Es wird empfohlen, mindestens 5 Normale mit unterschiedlichen Referenzwerten einzusetzen. Oftmals können jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr als zwei Normale zur Verfügung gestellt werden. In diesen Fällen beschränkt man sich vorzugsweise auf die Untersuchung an den Grenzen des Toleranzbereichs.

ANMERKUNG 2: Handelt es sich um ein Messmittel, das Teil einer Messeinrichtung ist, ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Messeinrichtung zu bewerten.

• Ist Vorgehen nach [AIAG MSA] ausdrücklich gefordert (z. B. Kundenforderung), ist nach Anhang E.1 vorzugehen.

ANMERKUNG: Liegen bereits Daten aus der mehrfachen Durchführung von Verfahren 1 vor, können diese für die Auswertung nach [AIAG MSA] verwendet werden. Die erneute Durchführung von Messungen ist nicht erforderlich.



4.5 Verfahren 5: Stabilität (Messbeständigkeit)

Ziel

Nachweis gleichbleibend richtiger Messergebnisse durch Überwachung des Langzeitverhaltens eines Messprozesses und entsprechende Beurteilung der Stabilität (Messbeständigkeit) der Messeinrichtung (ähnlich einer \bar{x} – s -SPC-Regelkarte, jedoch ist ein Messprozess nicht im Sinne von SPC regelbar).

ANMERKUNG: Eine Folge von Messungen kann als Messprozess aufgefasst werden, der Messwerte "produziert". Daher können die bekannten SPC-Verfahren und -Regeln in ähnlicher Weise für Messprozesse angewandt werden, um die dauerhafte Beherrschtheit (zeitliche Stabilität) zu beobachten.

Ablaufdiagramm

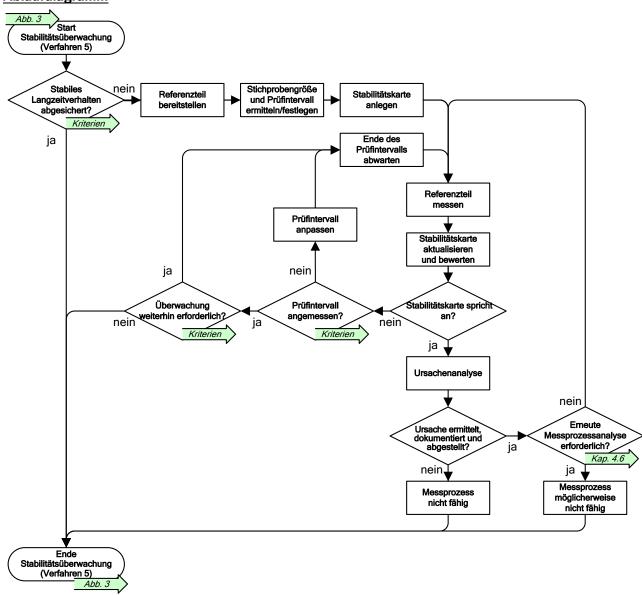


Abb. 9: Stabilitätsüberwachung bei kontinuierlichen Merkmalen (Verfahren 5)

4.5.1 Vorbereitung

Bewertung der Langzeitstabilität

Zunächst ist sorgfältig zu prüfen, ob stabiles Langzeitverhalten erwartet werden kann und ausreichend abgesichert ist. Die folgenden Beispiele sind typische Kriterien für Langzeitstabilität:

- Fähigkeitskenngrößen weit über oder unter geforderten Mindest- bzw. Höchstwerten (z. B. C_{gk} > 2, %GRR < 5%);
- keine (wesentlichen) Änderungen der Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Erschütterungen) zu erwarten;
- kein (häufiger) Personalwechsel bei möglichem Bedienereinfluss auf das Messverfahren;



- Prüffristen der Prüfmittelüberwachung (d.h. Häufigkeit von Kalibrierung und Justierung) der Messeinrichtung auf das Langzeitverhalten (z. B. Drift) der Messeinrichtung abgestimmt;
- umfassende positive Vorerfahrungen zu stabilem Langzeitverhalten baugleicher (oder vergleichbarer)
 Messeinrichtungen;
- keine (bestätigt oder unbestätigt) fehlerhaften Teile oder Beanstandungen aus dem Fertigungsprozess bzgl. des zu messenden Merkmals;
- keine (bestätigten oder unbestätigten) Fehlmessungen, Messergebnisse ggf. mit Kunden abgeglichen;
- keine universell genutzte, komplexe Messeinrichtung für unterschiedliche Messaufgaben und Anforderungen;
- keine (starke) Beanspruchung der Messeinrichtung im Bezug auf Verschleiß (z. B. Fixierungen, Spannvorrichtungen, Taster);
- keine tendenziell driftende Messeinrichtung (z. B. Sensoren, einstellbare elektrische Kennwerte).

Im Zweifelsfall ist stabiles Langzeitverhalten durch Stabilitätsüberwachung abzusichern.

Referenzteil (Stabilitätsteil)

Zur Durchführung ist ein Referenzteil (Stabilitätsteil) mit bekanntem Referenzwert x_m erforderlich. Dies kann ein Normal oder (ggf. geeignet modifiziertes) Serienteil sein, das den für die Messung relevanten Anforderungen des bei Verfahren 1 verwendeten Normals entspricht. Bei Verwendung von Serienteilen kann der Referenzwert als Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit einer kalibrierten Messeinrichtung ermittelt werden. Das Referenzteil (Stabilitätsteil) ist eindeutig zu kennzeichnen.

Stichprobengröße (Stichprobenumfang)

Das Referenzteil (Stabilitätsteil) wird in prozessspezifisch festgelegten Zeitabständen (Prüfintervallen, Stichprobenintervallen) jeweils mindestens dreimal gemessen ($n \ge 3$).

Aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen kann es in Ausnahmefällen erforderlich sein, die Anzahl der Messungen pro Zeitintervall auf weniger als drei zu reduzieren (n < 3). In diesen Fällen kann alternativ eine Urwertkarte geführt werden. Die Ausnahmefälle sind zu beschreiben.

Untere **E**ingriffs**g**renze (UEG)

Obere Eingriffsgrenze (OEG)

ANMERKUNG: [AIAG MSA] sieht den Einsatz von Urwertkarten nicht vor.

Eingriffsgrenzen für Stabilitätskarten

x -Karte (Mittelwerte):	$UEG = x_m - u_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$	$OEG = x_m + u_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

s-Karte (Standardabweichungen): $UEG_s = B'_{Eun} \cdot s$ $OEG_s = B'_{Eob} \cdot s$

Urwertkarte: $UEG = x_m - E'_F \cdot s$ $OEG = x_m + E'_F \cdot s$

Für x_m können eingesetzt werden:

- der Referenzwert des Referenzteils (Stabilitätsteils) oder
- der Mittelwert aus einem Vorlauf (vgl. [AIAG MSA], Kapitel 3, Abschnitt B).

Für s können eingesetzt werden:

- 2,5% der Merkmalstoleranz T (=T/40) oder
- die Standardabweichung aus einem Vorlauf (vgl. [AIAG MSA], Kapitel 3, Abschnitt B) oder
- die Standardabweichung aus Verfahren 1 (nicht empfohlen, da Kurzzeituntersuchung).

Für n wird der Stichprobenumfang eingesetzt, d.h. die Anzahl Messungen je Stichprobe.

 u_p , B'_{Eun} , B'_{Eob} und E'_E werden entsprechend dem Stichprobenumfang n gemäß nachstehender Tabelle für Vertrauensniveau 99% eingesetzt. Bei Urwertkarten ist zu entscheiden, wieviele Messwerte zu einer Gruppe der Größe n (Pseudo-Stichprobe) zusammengefasst werden. Gängig ist n=3.

n	u _p	B' _{Eun}	B'_{Eob}	ΕΈ
3	2,58	0,071	2,302	2,935
4	2,58	0,155	2,069	3,023
5	2,58	0,227	1,927	3,090

Werte für weitere Stichprobenumfänge n und Vertrauensniveaus können gemäß Anhang F berechnet werden.



4.5.2 Prüfintervall (Stichprobenintervall)

Ein geeignet angepasstes Prüfintervall wird stets vom jeweiligen Messprozess und seinem zeitlichen Verhalten bestimmt. Daher sind keine allgemein anwendbaren Regelungen möglich.

Grundsätzlich ist sorgfältig zu prüfen, ob ein möglichst kurzes, anfängliches Prüfintervall oder ggf. die Verkürzung eines bereits festgelegten Prüfintervalls erforderlich ist (z.B. mehrere Stichproben pro Schicht). Die folgenden Beispiele sind typische Kriterien für die Erforderlichkeit kurzer Intervalle:

- instabiler Messprozess;
- Fähigkeitskennwerte im Grenzbereich (z. B. Cgk um 1,33 und/oder %GRR um 10%);
- funktions-/prozesskritisches Merkmal;
- neue Mess- / Prüfverfahren;
- Erfahrungswerte nicht verfügbar;
- · wenig zeit- und kostenintensive Prüfungen;
- Forderung nach hoher statistischer Aussagekraft.

Bei der Festlegung und Änderung des Prüfintervalls ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass hinreichend kurze Reaktionszeiten zur Sicherstellung rechtzeitigen Teilezugriffs im Fehlerfall stets gewährleistet sein muss (Rückverfolgbarkeit).

Anpassung des Prüfintervalls: Gängiges Vorgehen in der Anlaufphase

- Alle Mittelwerte liegen innerhalb der Eingriffsgrenzen, die Änderungen von Wert zu Wert sind gut erkennbar und unsystematisch (zufällig): Prüfintervall ist angemessen; keine Maßnahmen erforderlich.
- Alle Mittelwerte liegen innerhalb der Eingriffsgrenzen, jedoch sind keine oder nur minimale Änderungen von Wert zu Wert erkennbar (vgl. auch "Middle Third"): Prüfintervall ist möglicherweise zu kurz; Intervall verlängern (z. B. verdoppeln); Anpassung erforderlichenfalls mehrfach wiederholen.
- Einige Mittelwerte liegen außerhalb der Eingriffsgrenzen: Prüfintervall ist möglicherweise zu lang; Intervall verkürzen (z. B. halbieren); Anpassung erforderlichenfalls mehrfach wiederholen.

Führen auch mehrfache Anpassungen des Prüfintervalls nicht zum Erfolg, sind Ursachen- und Risikoanalysen durchzuführen und ggf. geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Anpassung des Prüfintervalls: Gängiges Vorgehen in der Produktionsphase

- Alle Mittelwerte liegen innerhalb der Eingriffsgrenzen: Eine Kontrollmessung zu Beginn jeder Schicht ist in der Regel ausreichend.
- Einige Mittelwerte liegen außerhalb der Eingriffsgrenzen: Es sind Ursachen- und Risikoanalysen durchzuführen und ggf. geeignete Maßnahmen einzuleiten (z.B. Kalibrierung, Justage, Instandsetzung, Ersatz und erforderlichenfalls anschließend Neubestimmung des Prüfintervalls wie in der Anlaufphase).

Bei sehr kleinen Toleranzen kann es erforderlich sein, die Messeinrichtung vor jeder einzelnen Messung zu kalibrieren. In diesem Fall sind keine Messungen zur Stabilitätsüberwachung erforderlich.

4.5.3 Durchführung

Das Referenzteil (Stabilitätsteil) wird in den prozessspezifisch festgelegten Zeitabständen (Prüfintervallen, Stichprobenintervallen) jeweils mindestens dreimal gemessen ($n \ge 3$). Die Messwerte werden tabellarisch auf der Stabilitätskarte (Messbeständigkeitskarte) dokumentiert, Mittelwert und Standardabweichung jeder Stichprobe berechnet und in zeitlicher Reihenfolge in die \bar{x} - bzw. s- Karte eingetragen.

Die \overline{x} -Karte kann absolut geführt werden oder relativ zum Referenzwert x_m , d.h. die Differenzen der Messwerte zum Referenzwert (Residuen) werden erfasst.

Auswertung

Die Stabilität eines Messprozesses wird anhand der Stabilitätskarte beurteilt.

Stabiler Messprozess

Alle Werte (in der Regel die Mittelwerte) liegen innerhalb der Eingriffsgrenzen und streuen unsystematisch (zufällig). Hinweise auf Instabilität sind nicht feststellbar.

Erweist sich der Messprozess laut Stabilitätskarte über längere Zeit als stabil, kann ggf. das Prüfintervall verlängert werden (siehe Kap. 4.5.2).



Erweist sich der Messprozess über eine größere Anzahl aufeinander folgender Stabilitätskarten als stabil, kann ggf. die Stabilitätsüberwachung beendet werden. Die folgenden Beispiele sind typische Kriterien, die eine Beendigung **nicht** erlauben:

- Auffälligkeiten bei der Prüfmittelüberwachung (PMÜ);
- Kundenforderung zur Überwachung der Stabilität (Messbeständigkeit);
- keine weitere Absicherung der Qualitätsanforderungen für dieses Merkmal;
- funktions- und/oder prozesskritisches Merkmal (z. B. besonderes Merkmal, Risikoteil);
- Änderungen im Messaufbau.

Im Zweifelsfall ist die Stabilitätsüberwachung fortzusetzen.

Instabiler Messprozess

Die Werte zeigen eine große, zeitlich unsystematisch variierende Streuung und einige Werte liegen außerhalb der Eingriffsgrenzen.

Hinweise auf mögliche Probleme im Messprozess:

- Die Werte bilden eine ungewöhnliche (nicht zufällige) Punktefolge. Zur Identifikation kann die sogenannte 7er-Regel angewendet werden, d.h. 7 oder mehr aufeinander folgende Mittelwerte
 - $_{\circ}$ liegen einseitig unter- oder oberhalb von x_{m} (Run)
 - oder bilden eine stetig aufsteigende oder absteigende Folge (Trend).
- Innerhalb des mittleren Drittels zwischen den Eingriffsgrenzen liegen
 - mehr als 90%
 - o oder weniger als 40%

der Werte (Middle Third).

Falls Instabilität und/oder ein anderes Problem festgestellt wird, ist die Ursache zu ermitteln. Zunächst ist zu klären, ob ein Einfluss des Messprozesses oder des Messobjektes vorliegt. Hierzu sollte ein weiteres vermessenes Referenzteil (Stabilitätsteil) vorhanden sein.

ANMERKUNG 1: Gängige Methoden zur Ursachenanalyse sind z.B. Ursache-Wirkung-/Ishikawa-Diagramme (5M), 5 x Warum (Ermittlung von Grundursachen durch systematisches Hinterfragen), Kepner Tregoe (KT), Shainin, Six Sigma (DMAIC); siehe auch [EWQ].

ANMERKUNG 2: Zu den häufigsten Ursachen für Grenzwertüberschreitungen gehören Umwelteinflüsse (z.B. Änderungen der Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.). Diese Parameter sollten beim Anlegen der Stabilitätskarte dokumentiert werden, um Ursachen ggf. schnell und mit geringem Aufwand zu ermitteln und zu beseitigen.

Die Ursache ist zu beseitigen. Ggf. ist der Messprozess zu verbessern und die Erforderlichkeit eines erneuten Fähigkeitsnachweises zu bewerten (vgl. Kap. 4.6). Ursache und durchgeführte Maßnahmen sind zu dokumentieren (z. B. auf der Rückseite der Stabilitätskarte).

4.6 Wiederholung des Fähigkeitsnachweises

Während des produktiven Einsatzes muss die Fähigkeit des Messprozesses zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden (vorzugsweise mit Hilfe von Verfahren 5). Die folgenden Kriterien sind typische Beispiele, die eine erneute Messprozessanalyse mit Fähigkeitsnachweis erforderlich machen können:

- Nach Eingriffen in den Messprozess (z. B. nach Überschreitung von Eingriffsgrenzen) zeigt die Stabilitätskarte einen signifikanten Unterschied gegenüber dem Status vor dem Eingriff;
- nach Justage der Messeinrichtung oder von Komponenten der Messeinrichtung (z. B. einzelner Messgeräte im Rahmen der Prüfmittelüberwachung);
- bei Wiederinbetriebnahme nach Wartungsarbeiten, bei denen umfangreiche Demontagen, Umbauten oder der Austausch wesentlicher Teile (z. B. Messtaster, Wegaufnehmer) erforderlich waren;
- bei Inbetriebnahme neuer, überholter oder instandgesetzter Messeinrichtungen;
- bei (nachträglichen) Toleranzeinschränkungen des zu messenden Merkmals;
- bei technischen Änderungen (z. B. Aufbau, Software) der Messeinrichtung;
- bei Parameteränderungen, die die Messprozessfähigkeit verändern können;
- bei Veränderung von Randbedingungen im Messprozess (z. B. Abläufe, Messstrategie), die Einfluss auf die Messprozessfähigkeit haben können;
- bei Veränderungen beim Bedienungspersonal (z. B. neue Mitarbeiter bei Verfahren 2);
- bei Verdacht, dass die Messeinrichtung nicht fehlerfrei arbeitet;
- im Bedarfsfall vor und zwingend nach der Verlagerung von Messeinrichtungen.

Im Zweifelsfall ist die Messprozessanalyse zu wiederholen und die Fähigkeit erneut nachzuweisen.



B

BOSCH Messsystemanalyse Verfahren 5 (Stabilität)

Blatt 1 / 1

Bereich : MSE3 Arbeitsgang : Paaren Körper/Nadel Merkmalsbez. : Durchmesser Körper Gruppe/Abt. : MOE7 Masch.-Bez. : PAKO 9 Merkmal Nr. : 1

0,001

Werkstatt/Ber. : W450 Masch.-Nr. 1003521 Nennmaß 6,000 Unt. Abmaß Erzeugnis Düse Prüfplatz JML0583W001 -0,030 Lochdüse Prüfmittel JML0583W003 Ob. Abmaß 0,030 Sachnummer : 0 433 171 914 Prfm.-Nr. 6702779470004 Toleranz 0,060 Änd.-Stand 20.01.2019 Einheit Prfm.-Herst. BaP mm

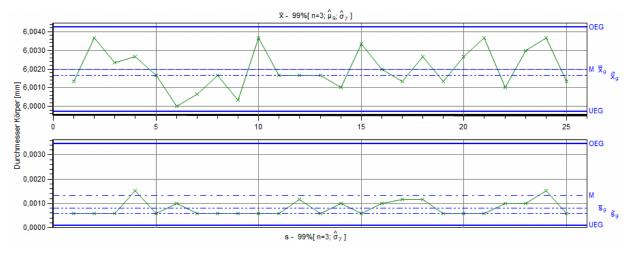
Auflösung

Kommentar

Normal Bea	z.: LY_001	0W134#95	Normal Nr.:	670278032	9 Normal-/Re	eferenzwert:	6,002 Kalib	6,002 Kalibrierunsicher		
i	Xi	i	Xi	i	Xi	i	Xi	i	xi	
1	6,002	16	6,000	31	6,002	46	6,003	61	6,004	
2	6,001	17	6,001	32	6,001	47	6,002	62	6,003	
3	6,001	18	5,999	33	6,002	48	6,001	63	6,004	
4	6,004	19	6,001	34	6,003	49	6,002	64	6,002	
5	6,004	20	6,001	35	6,001	50	6,002	65	6,000	
6	6,003	21	6,002	36	6,001	51	6,000	66	6,001	
7	6,003	22	6,001	37	6,002	52	6,002	67	6,004	
8	6,002	23	6,002	38	6,001	53	6,002	68	6,003	
9	6,002	24	6,002	39	6,002	54	6,004	69	6,002	
10	6,003	25	6,000	40	6,002	55	6,001	70	6,005	
11	6,001	26	6,000	41	6,000	56	6,002	71	6,004	
12	6,004	27	6,001	42	6,001	57	6,001	72	6,002	
13	6,002	28	6,004	43	6,004	58	6,003	73	6,002	
14	6,001	29	6,004	44	6,003	59	6,003	74	6,001	
15	6,002	30	6,003	45	6,003	60	6,002	75	6,001	

Zeic	Zeichnungswerte Ge			Gemessene Werte			Statistische Werte				Qualitätsregelkarte			
T _m	=	6,000				\bar{x}_g		=	6,00200	N	/littelwertkarte	99 %, n = 3		
USG	=	5,970	X _{min g}	=	5,999	sg		=	6,00090	OEG	=	6,00423		
OSG	=	6,030	X _{max g}	=	6,005	n _{eff}		=	75	М	=	6,00200		
Т	=	0,060	R _g	=	0,006	k _{eff}		=	25	UEG	=	5,99977		
										Eingriffs	grenzenverletz	ungen 0		
											s - Karte 99	%, n = 3		
										OEG	=	0,003453		
										М	=	0,001329		
										UEG	=	0,000106		
										Eingriffs	grenzenverletz	ungen 0		

Bosch 2018 — Stabilität





5 Verfahren zum Nachweis der Prüfprozessfähigkeit anhand diskreter Merkmale

Hinweis

Die Prüfung diskreter oder diskretisierter Merkmale wird grundsätzlich nicht empfohlen, da die Erfüllung aktueller Anforderungen an Fehlerquoten wirtschaftlich nicht vertretbare Stichprobenumfänge erfordert. Dem Fähigkeitsnachweis anhand kontinuierlicher Merkmale mittels Verfahren 1 - 5 sollte stets der unbedingte Vorzug gegeben werden.

5.1 Verfahren 6: Prüfentscheide bei diskretisierten kontinuierlichen Merkmalen

Ziel

Nachweis der Fähigkeit eines Prüfprozesses bezüglich eindeutiger Prüfentscheide bei der Prüfung diskretisierter Merkmale.

Voraussetzungen

Das Verfahren erfordert kontinuierliche Referenzwerte.

Verfahrensbeschreibung

Die Untersuchung wird mittels eines Referenzloses durchgeführt, das sich aus 50 Referenzteilen aus der Fertigung (Serienteilen) zusammensetzt, deren diskrete Merkmalswerte vor Beginn der Prüfung ermittelt und dokumentiert werden.

Dazu müssen zunächst die kontinuierlichen Merkmalswerte der Referenzteile (Referenzwerte) durch Messung ermittelt werden. Die den Messwerten zugeordnete erweiterte Messunsicherheit U muss bekannt sein. Es werden Referenzteile benötigt, deren Merkmalswerte einen Bereich überdecken, der etwas unterhalb von UGW – U beginnt und etwas oberhalb von OGW + U endet. Das Messergebnis zu jedem Referenzteil wird dokumentiert.

Anschließend wird jedes Referenzteil entsprechend seinem Messergebnis einer (von zwei möglichen) Bewertungskategorien eindeutig zugeordnet (Diskretisierung) und das Ergebnis dokumentiert: "Innerhalb Toleranz" = "+", "Außerhalb Toleranz" = "-".

Jedes Referenzteil im Los muss eindeutig identifizierbar sein, so dass die korrekte Zuordnung zugehöriger Daten stets gewährleistet ist. Diese Anforderung muss in einer Form umgesetzt werden, die es nur autorisiertem Personal erlaubt, das Referenzteil zu identifizieren, nicht aber dem Prüfpersonal. Mögliche Realisierungen sind z. B. 2D-Bar-Codes, komplexe Zahlen-Codes, nur unter UV-Licht sichtbare Beschriftungen.

Zur Durchführung der Prüfung werden die Referenzteile als Prüfobjekte eingesetzt und in zufälliger, dem Prüfpersonal unbekannter Reihenfolge mit dem (z. B. nach Prüfplan) festgelegten Prüfmittel und Prüfverfahren oder einer automatisierten Prüfeinrichtung unter Serienbedingungen bewertet, indem sie einer (der beiden möglichen) Bewertungskategorien zugeordnet werden. Das Prüfpersonal muss angemessen geschult und eingewiesen sein.

Können die Bewertungen durch Handhabung und/oder Subjektivität des Prüfpersonals beeinflusst werden (z. B. bei manuellen Lehrenprüfungen), müssen die Prüfobjekte von 3 Prüfern in jeweils 3 Prüfdurchläufen bewertet werden.

Spielen Handhabung und/oder Subjektivität keine Rolle (z. B. bei Prüfautomaten), müssen die Prüfobjekte in 4 Prüfdurchläufen geprüft werden.

Die Reihenfolge der Prüfobjekte ist in beiden Fällen für jeden Prüfdurchlauf nach dem Zufallsprinzip neu zu wählen. Die Prüfergebnisse ("+" oder "-") werden dokumentiert.

Auswertung

Stimmen bei einem Referenzteil alle Prüfergebnisse mit der Referenzbewertung überein, wird diese Bewertung (d.h. "+" bzw. "–") in die Spalte "Code" der Ergebnistabelle eingetragen. Liegt keine Übereinstimmung vor, wird "x" in die Spalte "Code" eingetragen (vgl. nachstehendes Beispiel).

Anschließend wird die Tabelle nach der Größe der kontinuierlichen Referenzwerte in absteigender Reihenfolge sortiert (größter Wert oben). In dieser Darstellung werden zwei Unsicherheitsbereiche um die beiden Grenzwerte erkennbar, deren Breite ein Maß für die Streuung der Prüfergebnisse und damit GRR ist.



In der Spalte "Code" wird (oben beginnend) der letzte mit "–" bezeichnete Referenzwert und der erste mit "+" bezeichnete Referenzwert gesucht und die Breite d2 als Differenz der beiden Referenzwerte berechnet. Analog wird d1 ermittelt und aus beiden Größen der Mittelwert d = (d1 + d2) / 2 berechnet. Schließlich wird %GRR = $d / T \cdot 100\%$ berechnet.

Prüft das Prüfmittel nur gegen einen von zwei Grenzwerten, kann nur ein Unsicherheitsbereich der Breite d ermittelt werden, der unmittelbar zur Berechnung von %GRR verwendet wird.

Fähigkeitskriterium

Das Prüfmittel gilt als fähig, wenn %GRR \le 10%, und als bedingt fähig, wenn 10% < %GRR \le 30% (analog zu Verfahren 2 und 3).

Andernfalls ist das Prüfmittel ungeeignet. Durch entsprechende Maßnahmen (z. B. Einweisung der Prüfer, richtige Handhabung, Konstruktionsänderung, alternatives Prüfmittel) ist der Prüfprozess zu verbessern. Ist das Ergebnis einer wiederholten Prüfung ebenfalls negativ, sind die Verfahren 1 – 3 einzusetzen.

Beispiel

Das nebenstehende Beispiel zeigt Prüfergebnisse einmal nach der laufenden Nummer der Prüfobjekte sortiert und einmal nach abnehmender Größe der Referenzwerte. Prüfobjekte mit nicht durchgängig übereinstimmender Bewertung sind grau markiert. Die Sortierung nach der Größe der Referenzwerte macht die Unsicherheitsbereiche klar erkennbar.

Oberer Unsicherheitsbereich (d2):

3,642 mm ist der kleinste Wert, der noch übereinstimmend mit "-" bewertet wird; 3,626 mm ist der größte Wert, der noch übereinstimmend mit "+" bewertet wird:

d2 = 3,642 mm - 3,626 mm

= 0,016 mm.

Unterer Unsicherheitsbereich (d1):

3,570 mm ist der kleinste Wert, der noch übereinstimmend mit "+" bewertet wird; 3,546 mm ist der größte Wert, der noch übereinstimmend mit "-" bewertet wird:

d1 = 3,570 mm - 3,546 mm

= 0.024 mm.

<u>Mittelwert der Unsicherheitsbereiche</u> (d):

d = (d2 + d1) / 2

= (0.016 mm + 0.024 mm) / 2

= 0.020 mm

<u>Vergleich- und Wiederholpräzision</u> (%GRR):

Mittelwert d auf die Toleranz T = 0,075 mm des Merkmals bezogen: %GRR = d / T * 100%

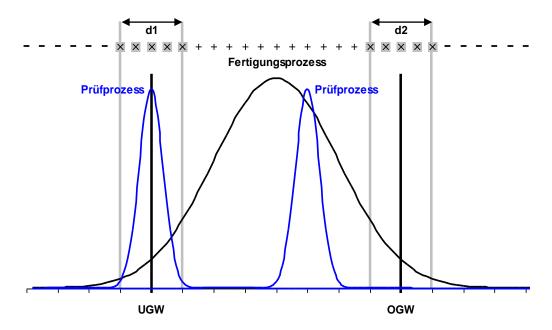
= 0,020 mm / 0,075 mm * 100% %GRR = 26.7%

	Sortiert nach Prüfobjekt Nr.							Sortiert nach Referenzwert							1						
Prüfobjekt Nr.	Referenzwert kontinuierlich	Referenzwert diskretisiert	Prüfer A Durchlauf 1	Prüfer A Durchlauf 2	Prüfer A Durchlauf 3	Prüfer B Durchlauf 1	Prüfer B Durchlauf 2	Prüfer B Durchlauf 3	Code	114 112 112 112 112	Prüfobjekt Nr.	Referenzwert kontinuierlich	Referenzwert diskretisiert	Prüfer A Durchlauf 1	Prüfer A Durchlauf 2	Prüfer A Durchlauf 3	Prüfer B Durchlauf 1	Prüfer B Durchlauf 2	Prüfer B Durchlauf 3	Code	
1	3,632	+	•	-	+	+	+	-	X		28	3,664	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3,649	-	-	-	-	-	-	-	-		7	3,652	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	3	30	3,652	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3,552	-	+	•	-	-	-	•	X		2	3,649	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3,621	+	+	+	+	+	+	+	+	L	6	3,645	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	3,645	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	3,642	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3,652	-	-	-	-	-	-	-	-		32	3,641	-	-	-	-	+	-	+	X	
8	3,599	+	+	+	+	+	+	+	+	_	9	3,634	+	-	-	+	-	+	-	X	
9	3,634	+	-	-	+	-	+	-	X		1	3,632	+	-	-	+	+	+	-	X	d2
10	3,625 3,572	+	+	+	+	+	+	+	+	_	27 36	3,632	+	-		-	+	+	+	X	
12	3,552	+	+	+	+	-	-	+	X	_	47	3,632	+		-		+	+	-	x	
13	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+	_	46	3,626	+	+	+	+	+	+	+	+	
14	3,561	-	+	+	+	-	+	+	x	_	10	3,625	+	+	+	+	+	+	+	+	•
15	3,617	+	+	+	+	+	+	+	+	_	26	3,622	+	+	+	+	+	+	+	+	
16	3,585	+	+	+	+	+	+	+	+		5	3,621	+	+	+	+	+	+	+	+	
17	3,531		•		-	-	-		-	2	23	3,621	+	+	+	+	+	+	+	+	
18	3,582	+	+	+	+	+	+	+	+	_1	15	3,617	+	+	+	+	+	+	+	+	
19	3,544	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33	3,614	+	+	+	+	+	+	+	+	
20	3,574	+	+	+	+	+	+	+	+	4	42	3,614	+	+	+	+	+	+	+	+	
21	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+		43	3,613	+	+	+	+	+	+	+	+	l
22	3,642	-	-	-	-	-	-	-	-		50	3,609	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
23	3,621	+	+	+	+	+	+	+	+		38	3,603	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
24 25	3,565 3,593	+	+	+	+	+	+	+	X +	_	34 8	3,600	+	+	+	+	+	+	+	+ +	ł
26	3,622	+	+	+	+	+	+	+	+		40	3,597	+	+	+	+	+	+	+	+	l
27	3,632	+	-	-	Ė	+	+	+	x	_	13	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+	İ
28	3,664	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+	
29	3,546	•	•		-	-	-	-	-	2	25	3,593	+	+	+	+	+	+	+	+	
30	3,652	-	•	•	-	-	-	•	•	4	44	3,592	+	+	+	+	+	+	+	+	
31	3,586	+	+	+	+	+	+	+	+	3	35	3,591	+	+	+	+	+	+	+	+	
32	3,641	-	-	-	-	+	-	+	X	_	3	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	
33	3,614	+	+	+	+	+	+	+	+		41	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
34	3,600	+	+	+	+	+	+	+	+		31	3,586	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
35	3,591	+	+	+	+	+	+	+	+	_	16	3,585	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
36 37	3,632 3,570	+			+	+	+		X	_	18 39	3,582	+	+	+	+	+	+	+	+	ł
38	3,603	+	+	+	+	+	+	+	+		20	3,574	+	+	+	+	+	+	+	+ +	1
39	3,578	+	+	+	+	+	+	+	+	_	48	3,573	+	+	+	+	+	+	+	+	1
40	3,597	+	+	+	+	+	+	+	+	_	11	3,572	+	+	+	+	+	+	+	+	
41	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	3	37	3,570	+	+	+	+	+	+	+	+	
42	3,614	+	+	+	+	+	+	+	+	2	24	3,565	+	+	+	-	-	-	+	Х	
43	3,613	+	+	+	+	+	+	+	+	1	14	3,561	-	+	+	+	-	+	+	Х	
44	3,592	+	+	+	+	+	+	+	+	4	45	3,560	-	+	+	+	-	-	+	X	d1
45	3,560	-	+	+	+	-	-	+	X	_	49	3,559	-	+	+	-	-	-	-	X	
46	3,626	+	+	+	+	+	+	+	+	_	4	3,552	-	+	-	-	-	-	-	X	ŀ
47	3,632	+	-	-	-	+	+	-	X	_	12	3,552	-	+	-	+	-	-	+	X	
48	3,573	+	+ .	+ .	+	+	+	+	+	_	29	3,546	-	-	-	-	-	-	-	-	ł
49 50	3,559 3,609	+	+	+	+	+	+	+	X +		19 17	3,544	-	-		-	-	-	-	-	ł
- 50	5,500											0,001									



Erläuterung

Die Streuung des Fertigungsprozesses, d.h. der Merkmalswerte, und die Streuung des Messprozesses, d.h. der (kontinierlichen) Messergebnisse für zwei verschiedene Merkmalswerte, werde durch die Verteilungskurven im nachstehenden Diagramm dargestellt:



Es ist plausibel, dass bei einem Merkmalswert in ausreichend großem Abstand zu den Grenzwerten alle Messergebnisse zu einem übereinstimmenden (diskreten) Prüfergebnis führen (d.h. "innerhalb Toleranz" im dargestellten Beispiel). Hingegen sind bei einem Merkmalswert in hinreichender Nähe zu einem Grenzwert Messergebnisse zu erwarten, die zu keinem eindeutigen Prüfergebnis führen (d.h. die einzelnen Messergebnisse liegen teilweise innerhalb, teilweise außerhalb des Toleranzbereichs). Die Ausdehnung des Merkmalswertebereiches ohne eindeutiges Prüfergebnis (d1, d2) ist daher als Schätzwert für die Streubreite des (diskreten) Prüfprozesses geeignet und damit als Wiederhol- und Vergleichpräzision GRR interpretierbar.



BOSCH

Messsystemanalyse Verfahren 6 (Diskrete Merkmale)

Blatt 1 / 1

Schleifen Innendurchm. MSE3 Merkmalsbez. Innendurchmesser Bereich Arbeitsgang : BOKO 3 Gruppe/Abt. : MOE7 Masch.-Bez. Merkmal Nr. : 1 Werkstatt/Ber. : W450 : 1003954 Nennmaß : 3,600 Masch.-Nr. : JML0782W001 Erzeugnis : Düse Prüfplatz Unt. Abmaß -0,0375 : Nadel Prüfmittel : LG_4H7N1 Ob. Abmaß 0,0375 Sachnummer : 0 433 392 425 Prfm.-Nr. : 67027025840013 Toleranz 0,075 Einheit Änd.-Stand : 20.01.2019 Prfm.-Herst. BaP mm Auflösung 0,002

					,	Auflösun	<u>g</u>	: 0,00	32
	mmentar								
Nor	mal Bez	.:			Norr	mal Nr.:			Normal-/Referenzwert:
n	Ref. 1	X A; 1	X A;2	X A;3	X B;1	X B;2	X B;3		
1	3,6320			•	•	•		2	3,67
2	3,6490				_		- <u>-</u>	<u> </u>	3,66 -
3	3,5870	<u>.</u>	-	-	+	-	-	<u> </u>	3,64 osg
4	3,5520	<u></u>						2	1 3.63 TO 1 1 V
5	3,6210		<u>+</u>	<u>.</u>	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>	<u> </u>	
6 7	3,6450 3,6520							<u> </u>	13,62
8	3,5990	4	- -	4	4	<u>-</u>	<u></u>	<u> </u>	
9	3,6340								
10	3,6250	4	4	, i	4	, i	4	<u>.</u>	
11	3,5720	4	4	4	•	4	4	<u> </u>	3,56
12	3,5520	•		•			•	2	3,55
13	3,5950	•	•	•		•	•	· ·	3,53
14	3,5610	<u>.</u>	· ·	<u></u>		<u> </u>	· ·	2	0 10 20 30 40 50
15	3,6170	<u></u>	<u> </u>	<u></u>	+	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Referenz Nr. →
16	3,5850	<u>+</u>	<u>+</u>	+	<u>+</u>	<u>+</u>	+	<u> </u>	
17	3,5310 3,5820	-			<u></u>		- -	<u> </u>	Zeichnungswerte
19	3,5440		<u> </u>		<u> </u>		-	<u> </u>	OSG = 3.63750
20	3,5740					100000000000000000000000000000000000000		<u> </u>	0,00700
21	3,5950	4	4	4	-	+	.	Ü	USG = 3,56250
22	3,6420							Ü	T = 0,07500
23	3,6210	+	4	-	-	-	-	<u> </u>	Anzahl Referenzmessungen = 1
24	3,5650	÷	•		_		<u>.</u>	2	Anzahl der Referenzteile = 50
25	3,5930	<u>.</u>	<u> </u>	+	<u></u>	4	<u>.</u>	<u> </u>	Anzahl der Prüfer = 2
26	3,6220	<u> </u>	'		<u> </u>	<u> </u>	'	<u> </u>	4
27	3,6320						'	2	Anzahl der Prüfdurchläufe = 3
28	3,6640 3,5460							<u> </u>	-
30	3,6520				_			Ü	Attributive Übereinstimmungsanalyse
31	3,5860	4	4	4	4	4	4	Ü	Anzahl der Nicht-Übereinstimmungen n _{<>} = 12
32	3,6410				•		4	2	
33	3,6140	+	4	4	÷	-	÷	<u> </u>	indica .
34	3,6000	÷	•	+ + + +	<u></u>	<u></u>	<u></u>	©	n' _{max} = 1
35	3,5910	•	-		· ·	<u> </u>	+	<u> </u>	-
36	3,6320							2	Methode der Signalerkennung
37	3,5700			4		<u> </u>		<u> </u>	Bereich der Nicht-Übereinstimmung d _{OSG} = 0,01600
38	3,6030 3,5780		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
40	3,5970								
41	3,5870	4	4	4	45	45	4	<u> </u>	Mittl. Bereich d. Nicht-Übereinstimmung d = 0,02000
42	3,6140	- ,	,	,	,	,	,	Ü	Prüfsystemstreuung %GRR = 26,67%
43	3,6130	,	÷	÷	,	.	,	<u> </u>	
44	3,5920	•	•	÷	•	*	•	<u> </u>	0 10 30
45	3,5600	<u> </u>	+	+			<u></u>	2	
46	3,6260	C			•	· ·	-	<u>e</u>	Hypothesentests
47	3,6320				•	<u> </u>		2	Kappa _{Fi} $K'FI = 0,6060$
48	3,5730	4	4	<u>.</u>	+	<u>+</u>	<u>+</u>	<u> </u>	Kappa _{Co} K'Co = 0,6063
49 50	3,5590		.	- -	- -		- -	2	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
50	3,6090	 -	'	'	''	'	''		Kappa _{min} K'min =

Bosch 2018 — Verfahren 6



5.2 Verfahren 7:

Prüfentscheide bei diskreten und diskretisierten kontinuierlichen Merkmalen

Ziel

Bewertung der Fähigkeit eines Prüfprozesses bezüglich eindeutiger Prüfentscheide bei diskreten oder diskretisierten kontinuierlichen Merkmalen.

ANMERKUNG: Das Verfahren ist mit und ohne kontinuierliche Referenzwerte durchführbar.

Verfahrensbeschreibung

Die Untersuchung wird mittels eines Referenzloses durchgeführt, das sich aus Referenzteilen zusammensetzt, deren diskrete Merkmalswerte vor Beginn der Prüfung ermittelt und dokumentiert werden.

Referenzteile mit kontinierlichen Merkmalswerten

Sofern kontinuierliche Merkmalswerte der Referenzteile ermittelt werden können, müssen diese durch Messung ermittelt werden. Die den Messwerten zugeordnete erweiterte Messunsicherheit U muss bekannt sein. Es werden Referenzteile benötigt, deren Merkmalswerte einen Bereich überdecken, der etwas unterhalb von UGW – U beginnt und etwas oberhalb von OGW + U endet. Das Messergebnis zu jedem Referenzteil wird dokumentiert.

Anschließend wird jedes Referenzteil entsprechend seinem Messergebnis einer zählbaren Kategorie eindeutig zugeordnet (Diskretisierung) und das Ergebnis dokumentiert: z. B. "innerhalb Toleranz / außerhalb Toleranz" oder "gut"/"schlecht" oder entsprechende numerische Codes wie z. B. "1"/"0".

Referenzteile mit diskreten Merkmalswerten

Vergleichsstandard (Grenzmusterkatalog): Zur wiederholbar eindeutigen Identifikation bestimmter Eigenschaften (Attribute) von Prüfobjekten ist ein Vergleichsstandard (Grenzmusterkatalog) erforderlich, gegen den die Prüfobjekte verglichen werden. Dabei handelt es sich um eine Dokumentation aller Eigenschaften von Prüfobjekten, die der Prüfprozess identifizieren soll. Der Katalog kann als Sammlung physikalisch existenter Teile mit entsprechenden Eigenschaften realisiert sein oder als Sammlung entsprechender fotografischer Abbildungen bei Sichtprüfungen, als Sammlung von Klangmustern bei akustischen Prüfungen usw.

Einordnung in Kategorien: Sofern keine kontinuierlichen Merkmalswerte der Referenzteile ermittelt werden können (z. B. bei Sichtprüfungen), wird jedes Referenzteil entsprechend seinen Eigenschaften (Attributen) anhand des Vergleichsstandards (Grenzmusterkatalog) einer zählbaren Kategorie eindeutig zugeordnet und das Ergebnis dokumentiert: z. B. "gut" / "schlecht" oder entsprechende numerische Codes wie z. B. "1" / "0".

Anzahl Kategorien: Mehr als zwei Kategorien sind möglich: z. B. "gut" / "nacharbeiten" / "schlecht" oder entsprechende numerische Codes wie z. B. "2" / "1" / "0". Die Erfahrung zeigt allerdings, dass mehrstufige Bewertungen (vgl. Anhang G.4) anstelle mehrerer Kategorien in der Regel zu zuverlässigeren Ergebnissen führen.

Referenzios (Master)

Losgröße: Der Losumfang sollte so groß wie möglich gewählt werden (100 bis 200 Referenzteile empfohlen, nach [AIAG MSA] mindestens 50 Referenzteile erforderlich). Der Losumfang sollte sich am Optimum zwischen teilweise gegensätzlichen Rahmenbedingungen wie z. B. Anforderungen an die statistische Aussagekraft der Prüfung, vertretbarer Aufwand, verfügbare Kapazität und Wirtschaftlichkeit orientieren.

Zusammensetzung: Im Referenzlos müssen alle für die Prüfung relevanten Eigenschaften vertreten sein, d.h. alle Eigenschaften, die der Prüfprozess identifizieren soll. Das Referenzlos sollte entsprechend der aktuellen Häufigkeit der einzelnen Eigenschaften in der Produktionsmenge zusammengestellt werden, z. B. nach Pareto-Analyse über das letzte Produktionsintervall (letzte 3 Monate empfohlen).

Identifizierbarkeit: Jedes Referenzteil im Los muss eindeutig identifizierbar sein, so dass die korrekte Zuordnung zugehöriger Daten stets gewährleistet ist. Diese Anforderung muss in einer Form umgesetzt werden, die es nur autorisiertem Personal erlaubt, das Referenzteil zu identifizieren, nicht aber dem Prüfpersonal. Mögliche Realisierungen sind z. B. 2D-Bar-Codes, komplexe Zahlen-Codes, nur unter UV-Licht sichtbare Beschriftungen.



• Durchführung der Prüfung

Die Referenzteile werden als Prüfobjekte eingesetzt und in zufälliger, dem Prüfpersonal unbekannter Reihenfolge mit dem (z. B. nach Prüfplan) festgelegten Prüfmittel und Prüfverfahren oder einer automatisierten Prüfeinrichtung unter Serienbedingungen bewertet, indem sie einer Bewertungskategorie zugeordnet werden. Das Prüfpersonal muss angemessen geschult und eingewiesen sein.

Können die Bewertungen durch Handhabung und/oder Subjektivität des Prüfpersonals beeinflusst werden (z. B. bei manuellen Lehren- bzw. Sichtprüfungen), müssen die Prüfobjekte von mehreren (mindestens 3) Prüfern beurteilt werden, jeweils in mehreren (mindestens 3) Prüfdurchläufen.

Spielen Handhabung und/oder Subjektivität keine Rolle (z. B. bei Prüfautomaten), müssen die Prüfobjekte in mehreren (empfohlen mindestens 6) Prüfdurchläufen geprüft werden.

Die Reihenfolge der Prüfobjekte ist in beiden Fällen für jeden Prüfdurchlauf nach dem Zufallsprinzip neu zu wählen. Die Prüfergebnisse werden dokumentiert.

Auswertung

Die Eindeutigkeit der Prüfentscheide wird anhand paarweiser Übereinstimmungen der einzelnen Prüfergebnisse bewertet. Als quantitatives Maß wird die Kenngröße κ ("Kappa") verwendet:

Reobachtete, nicht zufällige Übereinstimmungen

Mögliche, nicht zufällige Übereinstimmungen

Einzelheiten der Berechnung werden im Anhang G dargestellt.

Die Auswertung umfasst folgende Vergleiche mit den jeweils zugehörigen Kenngrößen к:

- Innerhalb der Prüfer: Vergleich aller Prüfdurchläufe <u>eines</u> Prüfers ohne Vergleich gegen die Referenz (Wiederholpräzision, *engl. repeatability*),
- Zwischen den Prüfern: Vergleich aller Prüfdurchläufe <u>aller</u> Prüfer ohne Vergleich gegen die Referenz (Vergleichpräzision, *engl. reproducibility*),
- Jeder Prüfer (jeweils mit allen Prüfdurchläufen) im Vergleich gegen die Referenz,
- Alle Prüfer (jeweils mit allen Prüfdurchläufen) im Vergleich gegen die Referenz.

Die Auswertung erfolgt abweichend von der [AIAG MSA] nach Fleiss' Kappa-Statistik [Fleiss], die allgemeiner anwendbar ist. Sollte die Auswertung nach Cohen's Kappa-Statistik gemäß [AIAG MSA] ausdrücklich gefordert sein (z. B. aufgrund von Kundenforderungen), ist nach [AIAG MSA] vorzugehen.

ANMERKUNG 1: Ergänzende Dokumentation zu den Themen "Kreuztabellenmethode" und "Auswertung nach [AIAG MSA]" ist bei C/QMM und über die C/QMM-Intranet-Seiten erhältlich.

ANMERKUNG 2: Bei Auswertung nach [AIAG MSA] sind die Vergleiche "Innerhalb der Prüfer" nicht vorgesehen und "Alle Prüfer gegen Referenz" nicht möglich.

Fähigkeitskriterium

Die Fähigkeit wird anhand der Kenngröße κ ("Kappa") bewertet

• $\kappa \ge 0.9$ Prüfprozess fähig

• $0.9 > \kappa \ge 0.7$ Prüfprozess bedingt fähig

κ < 0,7
 Prüfprozess nicht fähig (ungeeignet)

Für die Gesamtbewertung ist das Minimum aller ermittelten κ-Werte relevant.

Ist der Prüfprozess bedingt fähig oder nicht fähig, ist der Prüfprozess durch geeignete Maßnahmen zu verbessern (z. B. Einweisung der Prüfer, richtige Handhabung, Konstruktionsänderung, alternative Prüfmittel).





Qualitätsmanagement

Prüfprozessfähigkeit Verfahren 7

Protokoll Nr.:

9911015

Blatt Nr. von

Erzeugnis / Prüfobjekt Merkmal Prüf-/Messmittel Erzeugnis: Gehäuse Bezeichnung: Oberflächengüte Standort: XxP/W000999 Erzeugnisteil: Deckel Merkmal Nr.: Prüf - / Messplatz: Sichtprüfung Prüf-/ A 111 999 222 Kontinuierliches Merkmal 123 456 789 Zeichnungs-Nr.: Messmittel Nr.: Änderungsstand: 05 / 29.02.2009 Bezeichnung: Grenzmusterkatalog Nennw ert: Kalibrierschein Nr.: n/a Höchstw ert: n/a Mindestw ert: Messunsicherheit: Toleranz: n/a Maßeinheit: n/a

Bewertungskategorien

- In Ordnung

Nicht in Ordnung

Sichtprüfung, manuell, Raumtemperatur 20,2°C, Lichtstärke 250 cd (Candela) Prüfverfahren:

2

▼ Diskretes Merkmal

Prüfszenario

Anzahl Referenzteile *50*

Anzahl Prüfer 3

Anzahl Prüfdurchläufe je Prüfer 3

Prüfdaten: Siehe Blatt 2 ff

Anzahl Bewertungskategorien

Auswertung

	ng	Innerh	alb Prüfe	r ohne Re	ferenz	Jeder Prüfer gegen Referenz				
Prüfername	Kurzbezeichnung	к (Карра)	κ≥0,90 fähig	$0,70 \le \kappa < 0,90$ bedingt fähig	$\kappa < 0,70$ nicht fähig	к (Карра)	κ≥0,90 fähig	$0,70 \le \kappa < 0,90$ bedingt fähig	$\kappa < 0,70$ nicht fähig	
Müller	Α	0,7600		X		0,8802		X		
Mayer	В	0,8451		X		0,9226	X			
Huber	С	0,7029		X		0,7747		X		
		Zwischen Prüfern ohne Referenz				Alle Prüfer gegen Referenz				
Alle		0,7936		X		0,8592		X		

Gesamtergebn	IIS	Minimum aller Erge
Kappa <u>></u> 0,90:	☐ fähig	0,70 <u><</u> Kappa < 0,90:

Minimum aller Ergebnisse: bedingt Kappa = 0,7029

Kappa < 0,70:

Ale Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Bemerkungen: Keine

Datum:

Abteilung: XY/ABC5

Name:

Mustermann

Unterschrift:



Verfahren 7: Prüfdaten

			Prüf	er (K	urzb	ezeio	hnun	ia) –	Prüfe	durch	lauf	(Lfd.	Num	mer)
Prüfobjekt	Referenzwert	Referenzwert		Mülle			Maye			Hube		Liu.	Itaiii	1101)
Nr.	(kontinuierlich)	(diskret oder												
	(diskretisiert)	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3			
1	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	n/a	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0			
7	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1			
8	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
13	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	n/a	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0			
15	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
20	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
21	n/a	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0			
22	n/a	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0			
23	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
24	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
25	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	n/a	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
27	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
28	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			L_
29	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
30	n/a	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
31	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
32	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
33	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
34	n/a	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1		 	<u> </u>
35	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		<u> </u>	<u> </u>
36	n/a	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1		<u> </u>	<u> </u>
37	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	<u> </u>
38	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-	<u> </u>
39	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	<u> </u>
40	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			<u> </u>
41	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			<u> </u>
42	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<u> </u>
43	n/a	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0			<u> </u>
44	n/a	<u> </u>	1	1	1	1	1	1	1	1	1			<u> </u>
45 46	n/a n/a	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		-	\vdash
46 47	n/a n/a	1		1	1	1	1	1	1	1	1			\vdash
48	n/a n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			\vdash
48 49	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			\vdash
49 50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			\vdash
50	n/a	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			Щ

Bewertungskategorien: 0 - Nicht in Ordnung; 1 - In Ordnung

n/a - nicht anwendbar



5.3 Hinweise zur Stabilitätsüberwachung und Wiederholung des Fähigkeitsnachweises

[AIAG MSA] enthält weder eine Empfehlung noch eine Methode zur Überwachung der Langzeitstabilität von Prüfprozessen für diskrete Merkmale. Der Gedanke ist naheliegend, analog zu Verfahren 5 vorzugehen und für diese Prüfprozesse Stabilitätskarten ähnlich den np- oder p-Karten bei SPC-Prozessen einzusetzen (vgl. [AIAG SPC]). Allerdings sind für diese Karten in der Regel Stichprobenumfänge der Größenordnung n > 50 erforderlich, so dass sich beim Prüfaufwand kein Vorteil gegenüber der Wiederholung der Fähigkeitsuntersuchung ergibt.

[AIAG MSA] enthält jedoch auch keine Hinweise oder Empfehlungen zu Zeitintervallen, in denen Fähigkeitsuntersuchungen wiederholt werden sollen. Gängige Praxis ist, die Fehlerquote des Fertigungsprozesses zu überwachen und bei signifikanten Veränderungen die Fähigkeit des Prüfprozesses erneut nachzuweisen. Dabei muss man sich jedoch im Klaren sein, dass Änderungen der Fehlerquote sowohl durch Veränderung des Prüfprozesses als auch durch Veränderung des Fertigungsprozesses verursacht werden können, also kein eindeutiger Hinweis sind.

Sofern eine Möglichkeit besteht, diskrete Merkmale im Rahmen nachfolgender Prozessschritte (indirekt und möglichst anhand eines kontinuierlichen Merkmals) zu überwachen, sollte diese Möglichkeit zusätzlich oder alternativ genutzt werden.

Weiter sind die folgenden Kriterien typische Beispiele, die einen erneuten Fähigkeitsnachweis erforderlich machen können:

- bei Wiederinbetriebnahme nach Wartungsarbeiten, bei denen umfangreiche Demontagen, Umbauten oder der Austausch wesentlicher Teile (z. B. Kamera für Sichtprüfungen) erforderlich waren;
- bei Inbetriebnahme neuer, überholter oder instandgesetzter Prüfeinrichtungen;
- bei (nachträglichen) Toleranzeinschränkungen bei diskretisierten kontinuierlichen Merkmalen;
- bei technischen Änderungen (z. B. Aufbau, Software) der Prüfeinrichtung;
- bei Ergänzungen und wesentlichen Änderungen des Vergleichsstandards (Grenzmusterkatalog);
- bei Veränderung von Randbedingungen im Prüfprozess (z. B. Abläufe, Prüfstrategie), die Einfluss auf die Prüfprozessfähigkeit haben können;
- bei Veränderungen beim Prüfpersonal (z. B. neue Mitarbeiter);
- bei Verdacht, dass die Prüfeinrichtung nicht fehlerfrei arbeitet;
- im Bedarfsfall vor und zwingend nach der Verlagerung von Prüfeinrichtungen.

Im Zweifelsfall ist die Prüfprozessanalyse zu wiederholen und die Fähigkeit erneut nachzuweisen.

6 Bewertung nicht fähiger Mess- und Prüfprozesse

Bei Mess- und Prüfprozessen, für die der Nachweis unbedingter Fähigkeit nicht möglich ist, ist folgendes Vorgehen sinnvoll:

- Ursachenanalyse (z. B. Ursache-Wirkung-Diagramm, 5 x Warum);
- Bewertung und Abstimmung zwischen Fertigung und Entwicklung (z. B. Toleranzen, Fertigungskonzept, Messstrategie);
- Nutzung von FMEA-Ergebnissen, die zum Merkmal verfügbar sind;
- Dokumentation von Maßnahmen (z. B. im Kontrollplan).

Es muss nachvollziehbar dargelegt werden, dass die Einhaltung der geforderten Spezifikation gewährleistet und erforderlichenfalls mit dem Kunden abgestimmt ist.

Dabei kann das Formblatt im Anhang B (Seite 40ff) unterstützen zu entscheiden, ob eine Freigabe mit Auflagen zu verantworten ist.



Anhang

A Beispiele für Check-Listen zur Messprozessanalyse

Messprozess	analyse		
Anlage 1: Checkliste zur Planung und C	ptimierung	eines I	Messprozesses
	Geprüft	i.O.	Maßnahmen
Messeinrichtung, Einstellnormale			
Mess-, Spann-, Niederhaltekräfte			
Messorte, Definition Messstellen			
Aufnahmen, Fluchtung Prüfling Messtaster			
Antastelemente			
Führungen, Reibung, Verschleiß			\
Positionierung, Verkippung Prüfling			
Messablauf; Warmlaufphase			
Güte des Normals/der Normale		9	
	\wedge		
Messverfahren, -strategie	\searrow		// () ·
Antastend, berührungslos		/ Z <	
Bezugselement, Basis für Aufnahme		/Q/	
Messgeschwindigkeit, Einschwingzeit			>
Mehrpunktmessung bzw. Scan anstelle Einzelmesswerte			
Mittelwert aus Wiederholungsmessungen			
Auswertebereiche			
Mess-, Statistik-Software	// 6//		
Kalibrierkette			
Einstellverfahren (z.B. vor jeder Messung)			
Umgebungsbedingungen Erschütterungen, Schwingungen			
Staub, Ölnebel, Zugluft, Feuchtigkeit			
Temperaturschwankungen, Sonneneinstrahlung			
Elektrische Störungen, Spannungsspitzen			
Energieschwankungen (Luft, Strom)			
× /			
Messobjekt			
Sauberkeit, Waschrückstände			
Oberflächenbeschaffenheit, Grate			
Formfehler, Bezugsbasis			
Materialeigenschaften (z.B. Temperaturkoeffizient)			
Bediener, Verfahrensanweisung			
Einweisung, Schulung, Sorgfalt, Handhabung			
Sauberkeit (Handfett), Wärmeübertragung			



Messprozes	ssanalyse		
Anlage 2: Checkliste zu	ır Messmittel	lauswahl	
	Geprüft	i.O. Maßnahmen	
Auflösung < 5%			
Linear messende Messeinrichtung eingesetzt?			
Absolut messende Messeinrichtung eingesetzt? (digital inkremental anstelle analog induktiv)			
Robustere Messeinrichtung (Lagerung, Führung, Messhebel, Übertragungselemente, Fixierung) einsetzt	par?	>	
Bedienerunabhängige Messeinrichtung einsetzbar?			
Neue (berührungslose) Messverfahren einsetzbar?			
Verfügen die Messsysteme über Schnittstellen zur			
automatischen Datenübertragung (AQDEF Format)?			
Geeignetere Messeinrichtung verfügbar/beschaffbar?			

Messprozessa	nalyse	
Anlage 3: Checkliste zur Merkmals-	und Tole	eranzbetrachtung
	Geprüft	i.O. Maßnahmen
Einfluss des Merkmals auf Funktion des Erzeugnisteils (z.B. DRBFM und/oder FMEA berücksichtigt? Merkmalsauslegung gewährleistet Funktion?)		
Alternatives Merkmal als "Ersatz" (z.B. Dichtheit anstelle Rundheit)		
Auswirkungen des alternativen Merkmals auf Prozessfähigkeit und Prozessregelung (Funktion, Zuverlässigkeit)		
Toleranzanpassung (z.B. durch statistische Tolerierung)		
Alternative Materialien / Stoffe einsetzbar?		
Alternativer Fertigungsprozess oder -parameter einsetzbar? (z.B. DoE und/oder geeignete Versuchsreihen durchgeführt		
Abstimmung mit		
Fertigungsplanung		
Fertigung		
Qualitätsmanagement		
Entwicklung		
Vertrieb und/oder Kunden		
Einkauf		
•••		

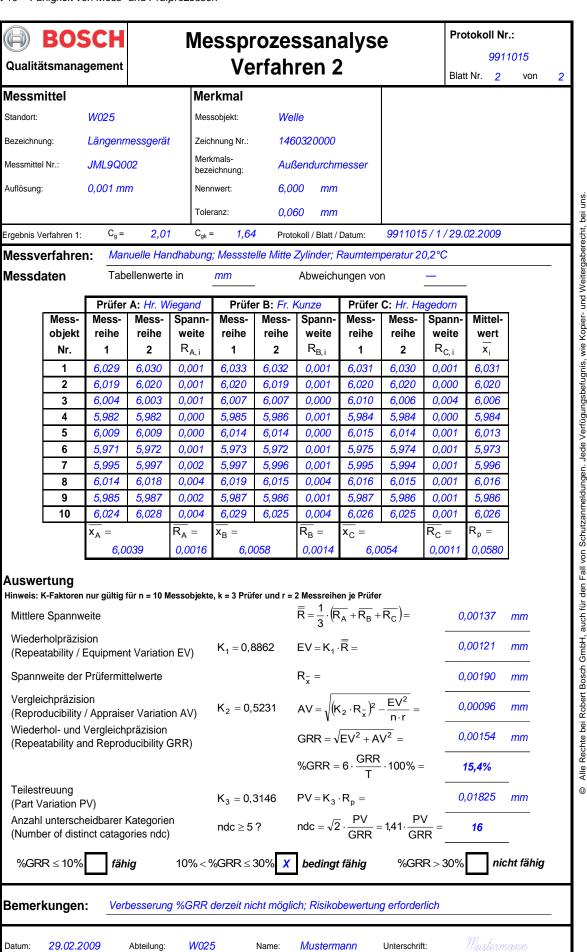


B Formblätter zur manuellen Auswertung

Hinweis: Die Formblätter für Verfahren 1 – 3 und 5 – 6 entsprechen den Formblättern in der vorausgehenden Ausgabe von Heft 10. Die Verwendung wird nicht empfohlen. Software-gestützter Auswertung sollte der Vorzug gegeben werden.

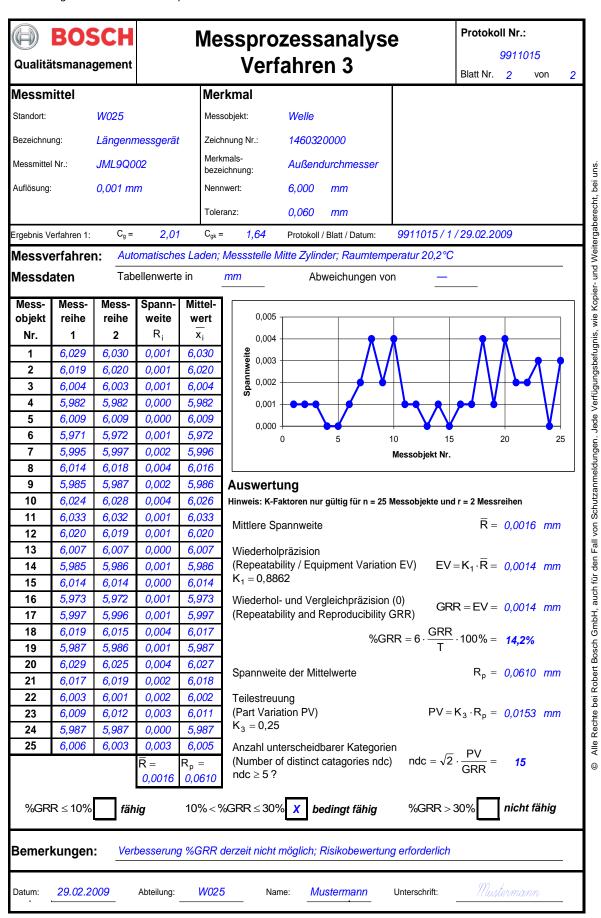
BO BO	SCH		Me	sspr	ozes	san	alvs	е	Pro	otokoll N	r.:	
Qualitätsman	agement			-	rfah		•			991	1015	
			1		IIaiii			l	Bla	tt Nr. 1	von	1
Messmittel	14/00.5			rkmal	14/-/			Normal		F:		
Standort:	W025			sobjekt:	Well			Bezeichnur		Einstellz		
Bezeichnung:		nessgerät		nnung Nr.: mals-	1460	0320000		Messmittel	Nr.:	LY8N 6,	000 Nr. 1	
Messmittel Nr.:	JML9Q0	02		ichnung:	Auß	endurchn	nesser	Referenzwe	ert x _m :	6,0020	mm	
Auflösung:	0,001 mr	n	Nenr	nwert:	6,00	0 mm		Unsicherhe	it U _{kal} :	0,0005	mm	
			Tole	ranz:	0,06	0 mm						
Messverfahr	en: Man	uelle Han	dhabung	; Messste	elle Mitte 2	Zylinder; I	Raumtem	peratur 20	,2°C			_
	Taballa					A l ! .						
	1 - 5	nwerte 6 - 10	in: 11 - 15	<i>mm</i> 16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	ī	
	6.001	6,001	6,001	6,002	6,002	6,001	6,000	6,001	6,000	6,002	1	
	6,002	6,001	6,000	6,002	6,000	6,001	6,001	6,000	6,001	6,001	†	
	6,001	6,000	6,001	6,002	5,999	6,000	6,001	6,000	6,002	6,002	†	
	6,001	5,999	6,002	6,002	6,002	5,999	6,002	5,999	6,001	6,001	<u> </u>	
	6,002	6,001	6,002	6,000	6,002	5,999	6,001	5,999	6,002	6,001]	
6,01										X _m +	0,1*T	
E 6,006												
6,006				•	* - *						X _m	
% 6 - 6 5,998 -			**	¥								
⁻ 5,996 										X _m -	0,1*T	
5,994 0	5	10	15	20	25	3	0	35	40	45	50	
					Messw	ert Nr.						
Referenzw	ert x _m =	6,0020 m	m Mitt	elwert X	= 6,00	09 mm	Stand	ardabwei	chung s	s = 0,00)10 mm	
Auflösung	≤5% T?	X ja				nein						
Systematis Messabwei	! - !	Für n = 2 Für n = 5 $ \overline{x} - x_m $ nicl	0 ist die s	systematis 011 mm	sche Abw 0,41	eichung s	signifikant 0,00041	, wenn	x̄ – x _m 0,284*s	> 0.413 > 0.284 = 0.00 at bewerter	·s 0028 mm	
Fähigkeitsi	indizes:	$C_{g} = \frac{0.2}{6}$	$\frac{1 \cdot T}{\cdot s} = \frac{0.2}{6}$	2 · 0,06 m · 0,001 m	im m = 2,01			•				
		$C_{gk} = \frac{0,}{}$	1 · T − x̄ 3 · s	$\frac{ -\mathbf{x}_{m} }{ -\mathbf{x}_{m} } =$	(0,1 · 0,0	6 - 6,00 3 · 0,00	09 – 6,00 01 mm	02) mm	= 1,64			
Cg ≥ 1,33 (Cgk ≥ 1,33		X ja				nein						
Bemerkunge	en: Die	systemati	sche Mes	ssabweich	nung ist n	cht korrig	iierbar					_
Datum: 29.02.	2000	Abteilung:	W028	5	Name:	Musterm	ann	Unterschrift		Musterm	namm	
∟αιαιιι. ∠J.U∠.	.2000	Abtellulig.	VV 02	•	i vairie.	MUSICITI	um	OTHERSON III		11 word VIII	NUIUIU	





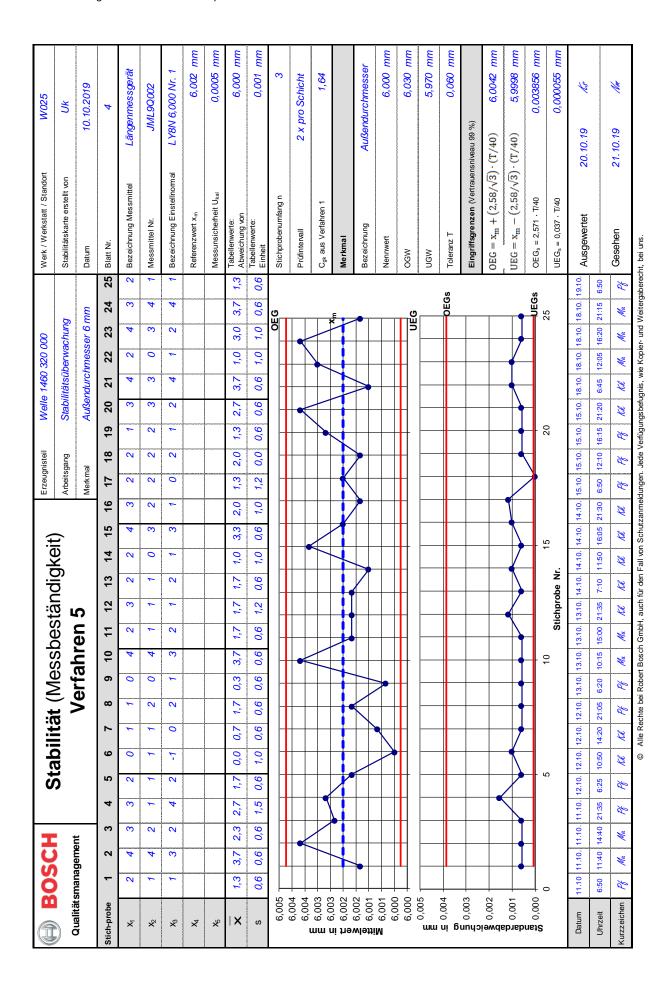
Hinweis: Berechnungen im Formblatt werden nach der Average-Range-Methode (ARM, vgl. Anhang D.3) durchgeführt, die nicht empfohlen wird und nur in begründeten Ausnahmefällen benutzt werden soll.





Hinweis: Berechnungen im Formblatt werden nach der Average-Range-Methode (ARM, vgl. Anhang D.3) durchgeführt, die nicht empfohlen wird und nur in begründeten Ausnahmefällen benutzt werden soll.







	OSC				P	rü	-				anal en 6	yse			Pro	otok	oli N	r.: 9110)15		
antatsm	anagem	ent					<u> </u>	er	ıaı	11 E	311 O				Blat	t Nr.		6		von	
üfmittel						Ме	rkm	al					Messe	inri	chtu	ıng					
ndort:	Wo	25				Mes	sobjel	kt:		Gel	näuse		Bezeichn	ung:			Boh	rung	sme	ssgei	räi
zeichnung:	Gre	nzlehrdo	rn			Zeic	hnung	Nr.:		126	5120000		Messmitte	el Nr.:			JMF	K3N 1	1/3,6	Nr. 1	
fmittel Nr.:	IG	8,6H11 N	lr 1			Merl	kmals	-		Inne	endurchn	nesser	Rückführu	ına.			Fine	etallr	ina S	3,600	
inittor rui.	200	,,0111111					eichnu	•											nig c		
						Neni	nwert:			3,60	00 mm	1	Messunsi	cherhe	eit:		0,00)2		mm	
						Tole	ranz:			0,0	75 mm	1									
üfverfal	nren:	Manuell	e Pri	üfung	g, 2 F	Prüfe	r, Ra	aumt	empe	eratui	⁻ 20,2 °C										
Bewertu	ng:	Innerhalb 1	Гolerar	nz:	+			Auße	erhalb	Tolera	nz: -	Keine	ë Übereinsti	mmur	ng:		x				
	Refe	renz	Р	rüfer	Α	Р	rüfer	В		1		Refe	renz	Р	rüfer	Α	Р	rüfer	В		1
Prüf- objekt		P 1 4		Kunz	,	ŀ	lage	n	Code		Prüf- objekt		P. 1. 41		Kunz	,	ŀ	lage	n	Code	
Nr.	kontinuier- lich	diskreti- siert	1	2	3	1	2	3	ပိ		Nr.	kontinuier- lich	diskreti- siert	1	2	3	1	2	3	ပိ	
28	3,664	-	Ė	-	-		-	-	-	l	40	3,597	+	+	+	+	+	+	+	+	1
7	3,652	-	-	-	-	-	-	-	-		21	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+	1
30	3,652	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	3,595	+	+	+	+	+	+	+	+	1
2	3,649	•	-	-	-	-	-	-	-		25	3,593	+	+	+	+	+	+	+	+]
6	3,645	•	-	-	-	•	•	•	-		44	3,592	+	+	+	+	+	+	+	+	
22	3,642	-	-	-	-	-	-	-	-		35	3,591	+	+	+	+	+	+	+	+	
32	3,641	-	-	-	-	+	-	+	X		3	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	1
9 27	3,634 3,632	+ -	-	-	+	-	+	-	X		41 31	3,587	+	+	+	+	+	+	+	+	4
1	3,632	+	-	-	+	+	+	+	X		16	3,586 3,585	+	+	+	+	+	+	+	+	1
36	3,632	+	-	-	-	+	+	-	X		18	3,582	+	+	+	+	+	+	+	+	1
47	3,632	+	-	-	-	+	+	-	Х		39	3,578	+	+	+	+	+	+	+	+	1
46	3,626	+	+	+	+	+	+	+	+		20	3,574	+	+	+	+	+	+	+	+	1
10	3,625	+	+	+	+	+	+	+	+		48	3,573	+	+	+	+	+	+	+	+	
26	3,622	+	+	+	+	+	+	+	+		11	3,572	+	+	+	+	+	+	+	+	
5	3,621	+	+	+	+	+	+	+	+	4	37	3,570	+	+	+	+	+	+	+	+	l
23 15	3,621 3,617	+	+	+	+	+	+	+	+	1	24 14	3,565 3,561	+	+	+	-	-	-	+	X	-
33	3,617	+	+	+	+	+	+	+	+	1	45	3,560	-	+	+	+	-	+	+	X	1
42	3,614	+	+	+	+	+	+	+	+	1	49	3,559	_	+	+	-	-	-	-	X	
43	3,613	+	+	+	+	+	+	+	+	1	12	3,552	-	+	-	+	-	-	+	X	l
50	3,609	+	+	+	+	+	+	+	+]	4	3,552	-	+	-	-	-	-	-	X	
38	3,603	+	+	+	+	+	+	+	+		29	3,546	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	3,600	+	+	+	+	+	+	+	+	1	19	3,544	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	3,599	+	+	+	+	+	+	+	+]	17	3,531	-	-	-	-	-	-	-	-	J
	1 - 3,632 = %GRR <u><</u>	10%]	d2 =			552 = %GF		30%			9 + 0,011) 30% <	« %GRR				%GF	RR =	14	,7 %	
		fähig	1						b	eding	t fähin		nio	cht fä	hig						

Hinweis: Im Formblatt werden die Prüfergebnisse bereits nach den (kontinuierlichen) Referenzwerten sortiert dargestellt.



BOSCH

Bewertung nicht fähiger Mess- und Prüfprozesse Qualitätsmanagement

Messobjekt:

Protokoll Nr.:

9911015

von

2

Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns

0

Messmittel

Standort: W025 Bezeichnung:

Messtaster LX 0815 P1 Messmittel Nr.:

Auflösung: 0,001 mm Merkmal

1460320000 Zeichnung Nr.:

Merkmals-Außendurchmesser bezeichnung:

Welle

Nennwert: 6,000 mm Toleranz: 0.060 mm

Normal

Messmittel Nr.:

Bezeichnung: Einstellzylinder

LY8N 6,000 Nr. 1

Referenzwert x_m: 6,0020 mm

Blatt Nr.

Unsicherheit U_{kal}: 0,0005 mm

1. Fähigkeitskennwerte der Verfahren 1 – 4 und 6 – 7

Bei jedem Verfahren zutreffendes Ergebnis ankreuzen (n/a – Verfahren nicht anwendbar / nicht durchgeführt)

Verfahren	n/a	fähig	be	eding	gt fähig		nicht fähig	
1			$1,20 \le C_{gk} < 1,33$	X	$0.80 \le C_{gk} < 1.20$		$C_{gk} < 0.80$	
2			10% < %GRR <u><</u> 20%		20% < %GRR <u><</u> 30%	X	%GRR > 30%	
3	X		10% < %GRR <u><</u> 20%		20% < %GRR <u><</u> 30%		%GRR > 30%	
4		X	$1,20 \le MIN(C_{gk}) < 1,33$		$0.80 \le MIN(C_{gk}) < 1.20$		$MIN(C_{gk}) < 0.80$	
4 (MSA)	X		\mathcal{N}		\mathcal{N}		Nulllinie (teilweise) außerhalb Vertrauensgrenzen	
5	X		$\sqrt{}$		\mathcal{N}		\mathcal{N}	
6	X		10% < %GRR <u><</u> 20%		20% < %GRR <u><</u> 30%		%GRR > 30%	
7	X		0,8 ≤ K < 0,9		$0.7 \le \kappa < 0.8$		κ < 0,7	
Kenn	zahl	1	1		2	X	7	

Maßgeblich ist die höchste erreichbare Kennzahl

2. Externe Bedeutung der Fehlerfolge (Auswirkung beim Kunden)

keine

Bewertung nach Design- und Prozess-FMEA (vgl. Heft 14; CDQ0305; GB- und werksspezifische Festlegungen)

Auswirkung beim Kunden

B-Bewertung nach FMEA

Kennzahl 2

sehr gering bis unbedeutend 2 - 4

mittelschwer bis schwer 5 - 8 X

äußerst schwerwiegend 9 - 10

Beschreibung Außendurchmesser zu groß, Baugruppe kann nicht im Fahrzeug verbaut werden; der Fehlerfolge 0 km Beanstandung

3. Interne Bedeutung der Fehlerfolge (Auswirkung bei Bosch)

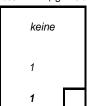
Bewertung nach Design- und Prozess-FMEA (vgl. Heft 14; CDQ0305; GB- und werksspezifische Festlegungen)

Auswirkung bei Bosch

B-Bewertung nach FMEA

Kennzahl 3 **Beschreibung**

der Fehlerfolge



sehr gering bis unbedeutend 2 - 4 2

mittelschwe	er
bis	
schwer	
5 - 8	
3	v
3	^

äußerst schwerwiegend 9 - 10 7

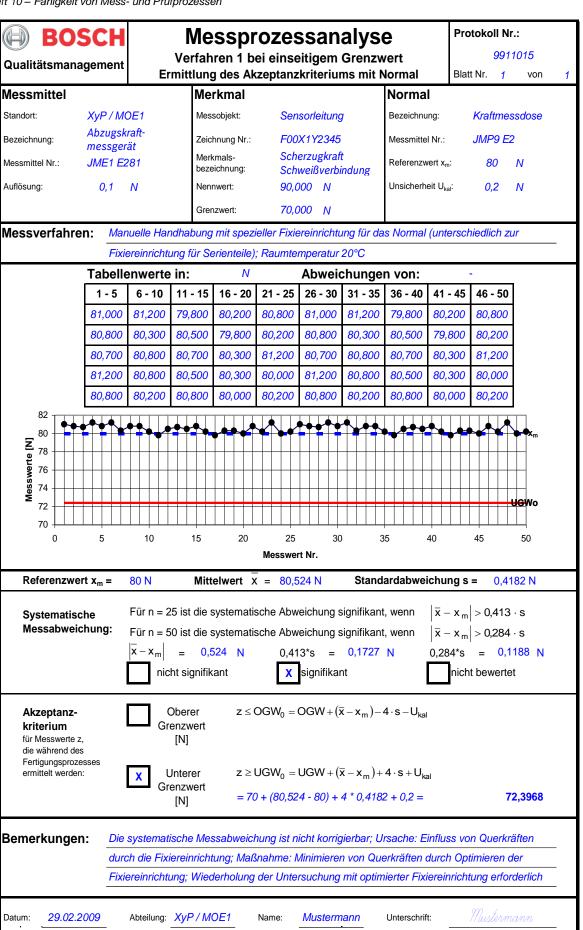
Außendurchmesser zu groß, Baugruppe muss verschrottet werden, erhöhte Fehlerkosten



(
Î	BOSCH			•	:	1	;		Protokoll Nr.:	::
	, acmost acmos		Bewertu	ng nic	:ht fähiger	Mess- 1	ung nicht fähiger Mess- und Prüfprozesse	zesse	166	9911015
Qualita	udantatsmanagement))		•		Blatt Nr. 2	von 2
4. Bewe	Bewertungergebnis und Maßnahmen	is und M	aßnahmen							
Produkt	Produkt der Kennzahlen:	יי	2	×	3 x	3	= 18	Г		
			Kennzahl 1	-	Kennzahl 2	Kennzahl 3	Bewertungskennzahl	zahl		
Ergebnis	s Entscheidung	ng		_	Maßnahmen				Verantwortlich	Termin
1-2	Freigabe mit Auflage	it Auflage			Optimierung Messsystem (Ausschluss manueller Einfluss)	tem (Ausschluss	manueller Einfluss)		Hr. ABC	30.10.2009
	Regelmäßige Prüfung, ob eine des Prüfprozesses möglich ist	e Prüfung, zesses mög	Regelmäßige Prüfung, ob eine Verbesserung des Prüfprozesses möglich ist		Wiederholung der Messsystemanalyse nach Verfahren 1	sssystemanalyse	nach Verfahren 1		Hr. ABC	30.10.2009
3 - 6	Freigabe mit Auflage	it Auflage			Optimierung Messsystem (Ausschluss manueller Einfluss)	tem (Ausschluss	manueller Einfluss)		Hr. ABC	30.10.2009
	Regelmäßig	e Prüfung,	Regelmäßige Prüfung, ob eine Verbesserung		Wiederholung der Messsystemanalyse nach Verfahren 1	sssystemanalyse	nach Verfahren 1		Hr. ABC	30.10.2009
	des Prumproz Wirksamkeit der Fehlerfo	zesses mog von Maßna Igen (Kund	des Fruprozesses moglich ist. Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Vermeidung der Fehlerfolgen (Kundenbeanstandung).	ρ0	Absicherung des Merk	ımals über zusät	Absicherung des Merkmals über zusätzliche Prüfung XXX		Hr. DEF	30.11.2009
7	X Keine Freigabe	abe			Definition eines neuen Messverfahrens	Messverfahrens	:		Hr. ABC	30.10.2009
	Funktion des	s Merkmals ifing siche	Funktion des Merkmals muss durch eine fähige, indirekte Drüfung eichergestellt werden. Sofern		Anschaffung eines genaueren Messgerätes	naueren Messge	rätes		Fr. XYZ	30.11.2009
	externe Feh	lerfolgen ni	externe Fehlerfolgen nicht ausgeschlossen		Wiederholung Messsystemanalyse nach Verfahren	stemanalyse nad	ch Verfahren		Hr. DEF	10.12.2009
	werden kön sam mit der Information o	nen, erfolgt zuständige des Kunder	werden können, erfolgt die Festlegung gemeinsam mit der zuständigen Erzeugnisentwicklung. Information des Kunden ist erforderlich.		4bsicherung des Merł	rmals über zusät	Absicherung des Merkmals über zusätzliche Prüfung XXX		Hr. DEF	01.10.2009
5. Gen	ehmigungsdu	ırchlauf	'gemäß Festlegi	ung in Verfat	Genehmigungsdurchlauf (gemäß Festlegung in Verfahrensanweisung des Werkes)	Verkes)				
Bearbeiter	ter	Datum:	15.09.2009	Abteilung:	XyP/W025	Name:	Amann	Unterschrift:	Amam	
Abteilungsleiter Fertigung	ngsleiter ng	Datum:	16.09.2009	Abteilung:	XyP/MOE	Name:	Bemann	Unterschrift:	Ветат	
Abteilun Qualität:	Abteilungsleiter Qualitätsmanagement	Datum:	17.09.2009	Abteilung:	XyP/QMM	Name:	Cefrau	Unterschrift:	Cofran	
Abteilungsleiter Entwicklung	ngsleiter :lung	Datum:	18.09.2009	Abteilung:	GB/EXY	Name:	Demann	Unterschrift:	Deman	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.





<u>pe</u>

Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht,



C Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 1

C.1 Signifikanz der systematischen Messabweichung

[AIAG MSA] empfiehlt zu überprüfen, ob die systematische Messabweichung $|\bar{x} - x_m|$ signifikant ist (vgl. [AIAG MSA], Seite 88/89). Das Signifikanzkriterium dieses sogenannten Ein-Stichproben-t-Tests ist vom Vertrauensniveau 1 – α und vom Stichprobenumfang n abhängig. Bei Vertrauensniveau 95% gilt die systematische Messabweichung als **nicht** signifikant, wenn bei Stichprobenumfang

n = 25 das Kriterium
$$\frac{\left|\overline{x} - x_m\right|}{s} \le 0,413$$

oder bei

n = 50 das Kriterium
$$\frac{\left|\overline{x} - x_m\right|}{s} \le 0.284$$

erfüllt ist. Bei abweichendem Vertrauensniveau und/oder Stichprobenumfang muss das Kriterium entsprechend angepasst werden (vgl. Anhang C.2).

Dieses Kriterium bedeutet für die Kenngrößen Cg und Cgk eine Bedingung für deren maximale Differenz:

$$C_g - C_{gk} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\left| \overline{x} - x_m \right|}{s}$$

ANMERKUNG: Die Bedingung ergibt sich durch Auflösen der Definitionsgleichung für C_{gk} nach $\left| \overline{x} - x_m \right| / s$ und Substitution des entsprechenden Formelanteils durch C_g (Definitionsgleichungen siehe Kap. 4.1).

Das vorstehende Kriterium für den jeweiligen Stichprobenumfang n eingesetzt, ergibt bei

n = 25 das äquivalente Kriterium
$$C_g - C_{gk} \le 0,138$$
 bzw. bei

n = 50
$$\,$$
 das äquivalente Kriterium $\,$ $\,$ C $_g$ $-$ C $_{gk}$ \leq 0,095 .

In der Praxis führt das Kriterium erfahrungsgemäß zu Problemen bei hochwertigen Normalen und Messeinrichtungen (s klein, Kriterium trotz technisch exzellent geringer Messabweichung nicht erfüllt) bzw. zu nicht unmittelbar erkennbaren Problemen bei niederwertigen Normalen und Messeinrichtungen (s groß, Kriterium trotz technisch inakzeptabel großer Messabweichung erfüllt). Hintergrund ist, dass die systematische Messabweichung relativ zur Streuung s des Messprozesses bewertet wird, nicht jedoch relativ zur technisch relevanten Toleranz des zu messenden Merkmals. Deshalb wird in der Praxis gelegentlich

$$C_g - C_{gk} \le \frac{1}{3} = 0.33$$

als Faustregel für noch akzeptable Abweichungen verwendet, d.h. systematische Messabweichungen bis maximal s. Die Anwendbarkeit ist für jeden Messprozess gesondert zu bewerten.

Laut [AIAG MSA] sollte eine signifikante systematische Messabweichung grundsätzlich durch Änderung an der Messeinrichtung (z. B. Justage) korrigiert werden. Sollte dies nicht möglich sein, kann die systematische Messabweichung durch Korrektion bei jedem Messergebnis berücksichtigt werden (vgl. [AIAG MSA], Kapitel III, Abschnitt B, Seite 95).

C.2 Ermittlung des Signifikanzkriteriums für systematische Messabweichungen

Mittels Ein-Stichproben-t-Test wird getestet, ob der Mittelwert μ der Grundgesamtheit mit dem Referenzwert x_m übereinstimmt oder nicht. Dabei wird der Mittelwert \bar{x} einer Stichprobe der Größe n aus dieser Grundgesamtheit als Schätzer für μ verwendet.

Nullhypothese: $\mu = x_m$

Alternativhypothese: $\mu \neq X_m$

Die Nullhypothese wird angenommen, wenn $\left|\overline{x}-x_m\right| \leq t_{f;\,1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \;.$

 $t_{f:1-\alpha/2}$ ist das (zweiseitige) Quantil der t-Verteilung bei f = n - 1 Freiheitsgraden und Vertrauensniveau $1 - \alpha$.



Dementsprechend berechnet sich das Signifikanzkriterium bei α = 0,05 (95% Vertrauensniveau) und Stichprobenumfang n = 25 gemäß

$$\left| \frac{\left| \overline{x} - x_m \right|}{s} \right| \le \frac{t_{24; 0,975}}{\sqrt{25}} = \frac{2,064}{5} = 0,413$$

und bei n =50 gemäß

$$\frac{\left|\overline{x} - x_{m}\right|}{s} \le \frac{t_{49; 0.975}}{\sqrt{50}} = \frac{2,009}{7,071} = 0.284 \ .$$

Wird das Signifikanzkriterium erfüllt, sind Mittelwert μ und Referenzwert x_m <u>nicht</u> signifikant unterschiedlich. Signifikanzkriterien für weitere Stichprobenumfänge n bei $\alpha = 0.05$:

n	$\frac{t_{n-1;1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}$	n	$\frac{t_{n-1;1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}$	n	$\frac{t_{n-1;1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}$
5	1,241664	30	0,373406	55	0,270338
10	0,715357	35	0,343512	60	0,258327
15	0,553782	40	0,319816	65	0,247788
20	0,468014	45	0,300433	70	0,238442
25	0,412780	50	0,284197	75	0,230079

Signifikanzkriterien für abweichende Werte von α und n werden analog berechnet. $t_{f; 1-\alpha/2}$ kann Tabellen entnommen oder z. B. mittels EXCEL-Arbeitsblattfunktion $TINV(\alpha; f)$ ermittelt werden.

C.3 Einseitig begrenzte Merkmale ohne natürliche Grenzen

Aus den Messdaten der Untersuchung nach Kap. 4.1 werden die systematische Messabweichung $\bar{x}-x_m$ und die Standardabweichung s ermittelt. Beide Kenngrößen werden als zeitlich nicht (signifikant) veränderliche Eigenschaften der Messeinrichtung (und nicht des Messobjektes) betrachtet.

Es liege ein einzelner Messwert z vor, der während des Fertigungsprozesses ermittelt wurde. Es wird vorausgesetzt, dass z zu einer Normalverteilung mit der (aus der Untersuchung nach Kap. 4.1 bekannten) Standardabweichung s, jedoch unbekanntem Mittelwert \bar{z} gehört.

ANMERKUNG: Es wird angenommen, dass sich eine Normalverteilung mit Standardabweichung s und einem bestimmtem Mittelwert \bar{z} ergibt, wenn die Messung hinreichend oft wiederholt würde.

Die zusätzliche Forderung, dass z mit 99,994% Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Verteilung gehören muss, beschränkt die möglichen Verteilungen auf Verteilungen zwischen folgenden Extremlagen:

- z fällt mit dem +4s-Quantil der Verteilung mit Mittelwert $\bar{z} = z 4 \cdot s$ zusammen (oberste Randlage),
- z fällt mit dem –4s-Quantil der Verteilung mit Mittelwert $\overline{z} = z + 4 \cdot s$ zusammen (unterste Randlage).

$$z-4\cdot s \leq \overline{z} \leq z+4\cdot s$$

beschränkt. Aufgrund der vorausgesetzten insignifikanten zeitlichen Veränderung der (aus der Untersuchung nach Kap. 4.1 bekannten) systematischen Messabweichung $\overline{x} - x_m$ wird weiter angenommen, dass sich der richtige Wert z_0 um exakt diese Messabweichung von \overline{z} unterscheidet:

$$\overline{z} - z_0 = \overline{x} - x_m$$
.

Diese Beziehung nach z aufgelöst und eingesetzt ergibt

$$z-4\cdot s \leq z_0^{} + \overline{x} - x_m^{} \leq z+4\cdot s$$
 .

Die Ungleichung nach z_0 aufgelöst liefert den Bereich, in dem der richtige Wert z_0 zum Messwert z mit 99,994% Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist:

$$z - \left(\overline{x} - x_m\right) - 4 \cdot s \le z_0 \le z - \left(\overline{x} - x_m\right) + 4 \cdot s \ .$$

Im Fall eines oberen Grenzwertes OGW wird gefordert, dass der zum Messwert z gehörige richtige Wert z₀ nicht größer als der Grenzwert OGW sein darf, d.h.

$$z_0 \le z - (\overline{x} - x_m) + 4 \cdot s \le OGW$$
.

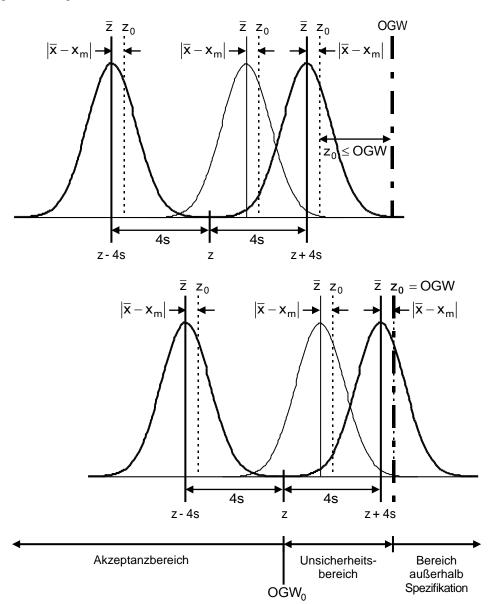
Nach z aufgelöst ergibt sich das Akzeptanzkriterium für jeden einzelnen Messwert z:

$$z \le OGW + (\overline{x} - x_m) - 4 \cdot s = OGW_0.$$



Die beiden nachstehenden Diagramme veranschaulichen die vorstehenden Ausführungen. Dargestellt wird ein Messwert z einmal in unkritischer Lage (oberes Diagramm) und einmal in kritischer Lage (unteres Diagramm) relativ zu einem einseitigen oberen Grenzwert OGW. Jeweils dargestellt werden außerdem die beiden Verteilungen in Extremlage sowie beispielhaft eine Verteilung in Zwischenlage, zu denen z gehören kann, jeweils mit Mittelwert \bar{z} und zugehörigem richtigen Wert z_0 .

z darf sich dem Grenzwert OGW höchstens so weit annähern, bis der größte aller möglichen richtigen Werte z_0 mit OGW zusammenfällt. Im unteren Diagramm liegt z exakt am obersten Ende des Akzeptanzbereiches ($z = OGW_0$), d.h. der Akzeptanzbereich $z \leq OGW_0$ wird durch den Bereich "links von z" im unteren Diagramm dargestellt.



Im Fall eines unteren Grenzwertes UGW wird analog

$$UGW \le z - (\overline{x} - x_m) - 4 \cdot s \le z_0$$

gefordert, d.h. nach z aufgelöst ergibt sich das Akzeptanzkriterium

$$z \ge UGW + (\overline{x} - x_m) + 4 \cdot s = UGW_0$$

In Fällen, bei denen zusätzlich die erweiterte Messunsicherheit U_{kal} der Kalibrierung des Normals zu berücksichtigen ist (Faustregel: $U_{kal} \geq 0.01 \cdot \left(|\overline{x} - x_m| + 4 \cdot s \right)$, gelten die vorstehenden Kriterien in der folgendermaßen modifizierten Form:

$$z \le OGW + (\overline{x} - x_m) - 4 \cdot s - U_{kal} = OGW_0$$

$$z \ge UGW + (\overline{x} - x_m) + 4 \cdot s + U_{kal} = UGW_0$$
.



D Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 2 und 3

D.1 Kenngröße ndc

ndc (engl. <u>n</u>umber of <u>d</u>istinct <u>c</u>ategories) bezeichnet die Anzahl Klassen, die durch den Messprozess noch unterschieden werden können. ndc beschreibt das Verhältnis der Teilestreuung PV im Vergleich zur Messprozessstreuung GRR. Damit sichergestellt werden kann, dass die Messeinrichtung auch unterschiedliche Teilequalitäten unterscheidbar messen kann, soll bei Untersuchungen nach Verfahren 2 oder 3 die Teilestreuung größer als die Streuung der Messeinrichtung sein. Nach [AIAG MSA] soll ndc ≥ 5 sein:

$$ndc = \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} \ge 5.$$

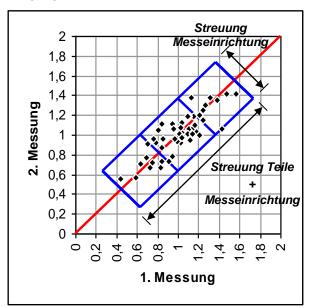
ANMERKUNG: Nicht ganzzahlige Ergebnisse für ndc werden stets auf eine ganze Zahl gerundet.

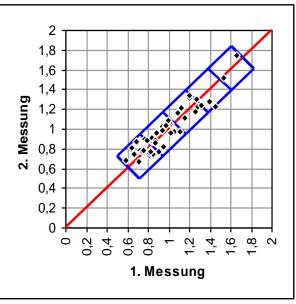
Anschauliche Interpretation von ndc

Bei Verfahren 3 werden an (mindestens) 25 Teilen Wiederholmessungen durchgeführt, d.h. zu jedem Teil liegen 2 Messwerte vor. Trägt man die Messergebnisse gegeneinander auf, so dass jedes Teil durch einen Punkt dargestellt wird, dessen x-Koordinate durch den Messwert der 1. Messung und dessen y-Koordinate durch den Messwert der 2. Messung bestimmt ist, ergibt sich ein Diagramm der nachstehenden Form (sogenanntes Iso-Plot).

Wären die Messergebnisse zwar von Teil zu Teil unterschiedlich, aber bei jedem einzelnen Teil die Ergebnisse der jeweils 1. und 2. Messung identisch, lägen die zugehörigen Punkte im Diagramm exakt auf der Diagonalen. Die Streuung der Punkte um die Diagonale (d.h. die Abweichung von der Diagonalen) ist demnach ein ungefähres Maß für die Streuung GRR der Messeinrichtung, während die Streuung entlang der Diagonalen ein ungefähres Maß für die Teilestreuung PV ist (zuzüglich eines Anteils GRR).

ndc lässt sich als Anzahl Quadrate interpretieren, die notwendig ist, um den gesamten Streubereich zu überdecken, wobei die Kantenlänge der Quadrate durch die Messprozessstreuung bestimmt wird: je geringer die Messprozessstreuung, um so kürzer die Kantenlänge der Quadrate und um so mehr Quadrate sind zur Überdeckung erforderlich. ndc ≥ 5 entspricht damit 5 oder mehr Quadraten. Laut [AIAG MSA] ist die Streuung des Messprozesses dann genügend klein im Verhältnis zur Streuung des Fertigungsprozesses.





Die quantitative Herleitung von ndc basiert auf einer Betrachtung in Analogie zum Signal-Rausch-Verhältnis [Wheeler].



Zusammenhang mit prozessbezogenem %GRR

Das Fähigkeitskriterium

$$\%GRR = \frac{GRR}{\sqrt{GRR^2 + PV^2}} \cdot 100\% \le GRR_{max} \cdot 100\%$$

nach PV/GRR aufgelöst und mit $\sqrt{2}$ = 1,41 multipliziert ergibt

$$\sqrt{2 \cdot \left(\frac{1}{GRR_{max}^2} - 1\right)} \leq \sqrt{2} \cdot \frac{PV}{GRR} = ndc \; .$$

Demnach ist ndc auch als alternative Darstellung der prozessbezogenen Kenngröße %GRR interpretierbar. Mit %GRR $_{max}=0.3$ resultiert ndc $\geq 4.50\approx 5$, mit %GRR $_{max}=0.1$ resultiert ndc $\geq 14.07\approx 14$.

Probleme bei prozessbezogenen Kenngrößen

Prozessbezogene Kenngrößen beinhalten kein technisch relevantes Kriterium wie z. B. die Toleranz des zu messenden Merkmals. Dies kann zu folgenden Fehlinterpretationen führen:

- Bei sehr kleinem PV, d.h. exzellenten Ergebnissen des Fertigungsprozesses bzgl. Teilestreuung, geht ndc gegen 0 und %GRR gegen 100%, d.h. der Messprozess wäre als nicht fähig einzustufen.
- Bei sehr großem PV, d.h. unzureichenden Ergebnissen des Fertigungsprozesses bzgl. Teilestreuung, wird ndc sehr groß und %GRR geht gegen 0%, d.h. der Messprozess wäre als unbedingt fähig einzustufen.

Solche Ergebnisse sind kritisch zu analysieren, da die Einstufung des Messprozesses in diesen Fällen hauptsächlich durch den Fertigungsprozess bestimmt wird und möglicherweise technisch nicht gerechtfertigt ist.



D.2 Verfahren 2: Auswertung mittels Varianzanalyse (ANOVA)

Grundidee der Varianzanalyse (engl. Analysis of Variances, ANOVA) ist die Zerlegung der Gesamtstreuung in Streuungsanteile, die bestimmten Einflussgrößen zugeordnet werden. Modell für einen einzelnen Messwert x_{iim} mit normalverteilten Zufallsgrößen (ohne systematische Messabweichung, engl. Bias):

	Variable	Verteilung
Mittelwert aller Teile	μ	_
+ Einfluss des Teils Nr. i	α_{i}	$N(0, \sigma^2)$
+ Einfluss des Prüfers Nr. j	β_{j}	$N(0, \omega^2)$
+ Einfluss der Wechselwirkung zwischen Teil i und Prüfer j	λij	$N(0, \gamma^2)$
+ Einfluss der Messeinrichtung (zufällige Messabweichung)	ε _{ijm}	$N(0, \tau^2)$
= Messwert x _{ijm}	Xijm	

d.h. der einzelne Messwert xijm berechnet sich gemäß

$$x_{ijm} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \lambda_{ij} + \epsilon_{ijm}$$

mit

Entsprechend setzt sich die Gesamtvarianz aller Messwerte aus Einzelkomponenten gemäß

$$VAR(x_{ijm}) = \sigma^2 + \omega^2 + \gamma^2 + \tau^2$$

zusammen, die zu ermitteln sind. Ein Schätzer für die Gesamtvarianz berechnet sich aus den Mess-

$$V \hat{A} R(x_{ijm}) = s^2 = \frac{1}{n k r - 1} \cdot TSS$$
.

Dabei steht

$$TSS = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} \left(x_{ijm} - \frac{x_{\bullet \bullet \bullet}}{nkr} \right)^{2} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} x_{ijm}^{2} - \frac{x_{\bullet \bullet \bullet}^{2}}{nkr}$$

für die Summe *aller* quadratischen Messabweichungen (engl. <u>T</u>otal <u>S</u>um of <u>S</u>quares) und

$$\frac{X_{\bullet \bullet \bullet}}{n k r} = \frac{1}{n k r} \cdot \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} X_{ijm}$$

für den Mittelwert aller Messwerte.

ANMERKUNG: Ein Punkt anstelle des Laufindex zeigt an, dass über diesen Index summiert wurde.

TSS wird gemäß

$$TSS = SS_P + SS_A + SS_{AP} + SS_E$$

in die Anteile SS (engl. <u>S</u>um of <u>S</u>quares) zerlegt, die den oben genannten Einflüssen zugeordnet werden:

Einflussgröße	Anteil SS	Freihe	itsg	rad DF
Teile	SS_P	DF_P	=	n - 1
Prüfer	+ SSA	DF_A	=	k - 1
Wechselwirkung zwischen Prüfern und Teilen	+ SSAP	DF_AP	=	(n - 1)·(k - 1)
Messeinrichtung (zufällige Messabweichung)	+ SS _E	DF_E	=	nk·(r - 1)
Gesamtstreuung	= TSS	DF _{TSS}	=	nkr - 1

Bilanz der Freiheitsgrade (engl. Degrees of Freedom, DF):

$$(n-1)+(k-1)+(n-1)\cdot(k-1)+nk\cdot(r-1)=nkr-1.$$

Die einzelnen Anteile SS berechnen sich gemäß

$$SS_{P} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_{i \cdot \cdot \cdot}^{2}}{kr} - \frac{x_{\cdot \cdot \cdot \cdot}^{2}}{nkr}$$

$$SS_A = \sum_{j=1}^k \frac{x_{\bullet j \bullet}^2}{nr} - \frac{x_{\bullet \bullet \bullet}^2}{nkr}$$

$$SS_{AP} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \frac{x_{ij \cdot}^{2}}{r} - \frac{x_{ij \cdot}^{2}}{nkr} - SS_{P} - SS_{A} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \frac{x_{ij \cdot}^{2}}{r} - \sum_{i=1}^{n} \frac{x_{i \cdot \cdot}^{2}}{kr} - \sum_{j=1}^{k} \frac{x_{ij \cdot}^{2}}{nr} + \frac{x_{i \cdot \cdot}^{2}}{nkr} + \frac{x_{i \cdot \cdot}^{2}}{nkr} + \frac{x_{i \cdot \cdot}^{2}}{nkr} + \frac{x_{ij \cdot}^{2}$$

$$SS_{E} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} x_{ijm}^{2} - \frac{x_{\bullet \bullet \bullet}^{2}}{nkr} - SS_{P} - SS_{A} - SS_{AP} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \sum_{m=1}^{r} x_{ijm}^{2} - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \frac{x_{ij\bullet}^{2}}{r}$$



Division der einzelnen Summen SS_X durch die jeweils zugehörige Anzahl Freiheitsgrade DF_X ergibt die mittleren quadratischen Abweichungen MS_X (engl. **M**ean of **S**quares):

$$MS_X = \frac{SS_X}{DF_X}.$$

Dabei steht der Index X stellvertretend für die Indizes P, A, AP und E.

Um zu prüfen, ob eine Einflussgröße signifikant ist, wird ein F-Test durchgeführt. Die Parameter berechnen sich wie folgt:

Einflussgröße	Prüfparameter	Quantil der F-Verteilung
Teile	$F_P = \frac{MS_P}{MS_AP}$	$F_{P krit} = F_{DF_P; DF_{AP}; 1-\alpha}$
Prüfer	$F_A = \frac{MS_A}{MS_{AP}}$	$F_{A \text{ krit}} = F_{DF_A; DF_{AP}; 1-\alpha}$
Wechselwirkung	$F_{AP} = \frac{MS_{AP}}{MS_{E}}$	$F_{AP\ krit} = F_{DF_{AP};\ DF_E;\ 1-\alpha}$

Eine Einflussgröße ist signifikant, wenn das zugehörige Kriterium $F_X > F_X$ krit erfüllt ist. F_X krit wird Tabellen entnommen oder z. B. mittels EXCEL-Arbeitsblattfunktion =**FINV**(α ; $DF_{Z\ddot{a}hler}$; DF_{Nenner}) ermittelt.

Erweisen sich alle Einflussgrößen als signifikant, werden die Schätzer für die einzelnen Varianzkomponenten σ^2 , ω^2 , γ^2 und τ^2 berechnet:

$$\hat{\sigma} = PV = \sqrt{\frac{MS_P - MS_{AP}}{k \, r}} \qquad \qquad \text{Teilestreuung} \\ (engl. \ \underline{\underline{P}}art \ \underline{\underline{V}}ariation)$$

$$\hat{\omega} = AV = \sqrt{\frac{MS_A - MS_{AP}}{n \, r}} \qquad \qquad \text{Prüferstreuung / Vergleichpräzision} \\ (engl. \ \underline{\underline{A}}ppraiser \ \underline{\underline{V}}ariation / Reproducibility)$$

$$\hat{\gamma} = INT = \sqrt{\frac{MS_{AP} - MS_E}{r}} \qquad \qquad \text{Wechselwirkung Prüfer - Teil} \\ (engl. \ \underline{\underline{Int}}eraction \ \underline{\underline{A}}ppraiser - \underline{\underline{P}}art)$$

$$\hat{\tau} = EV = \sqrt{MS_E} \qquad \qquad \text{Messmittelstreuung / Wiederholpräzision} \\ (engl. \ \underline{\underline{E}}quipment \ \underline{V}ariation / Repeatability)$$

$$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2 + INT^2} \qquad \qquad Gesamtstreuung \ des \ Messprozesses \\ (engl. \ \underline{\underline{G}}auge \ \underline{\underline{R}}epeatability \ \& \ \underline{\underline{R}}eproducibility)$$

$$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2} \qquad \qquad Gesamtstreuung \ (inklusive \ Teilestreuung) \\ (engl. \ \underline{\underline{T}}otal \ \underline{\underline{V}}ariation)$$

Beispiel

Daten nach [AIAG MSA], Seite 118:

						Prüfer				
N	less-		j = 1			j = 2			j = 3	
v	verte	(Prüfer A	١)	(Prüfer E	3)	(Prüfer C	()
	X _{ijm}	N	/lessun	g	N	lessun	g	N	lessun	g
		m = 1	m = 2	m = 3	m = 1	m = 2	m = 3	m = 1	m = 2	m = 3
	i = 1	0,29 0,41 0,64		0,08	0,25	0,07	0,04	-0,11	-0,15	
	i = 2 -0,56 -0,68 -0,58 -		-0,47	-1,22	-0,68	-1,38	-1,13	-0,96		
	i = 3	1,34	1,17	1,27	1,19	0,94	1,34	0,88	1,09	0,67
	i = 4	0,47	0,50	0,64	0,01	1,03	0,20	0,14	0,20	0,11
Teil	i = 5	-0,80	-0,92	-0,84	-0,56	-1,20	-1,28	-1,46	-1,07	-1,45
ř	i = 6	0,02	-0,11	-0,21	-0,20	0,22	0,06	-0,29	-0,67	-0,49
	i = 7	0,59	0,75	0,66	0,47	0,55	0,83	0,02	0,01	0,21
	i = 8	-0,31	-0,20	-0,17	-0,63	0,08	-0,34	-0,46	-0,56	-0,49
	i = 9	2,26 1,99 2,01		1,80	1,80 2,12 2,19		1,77	1,45	1,87	
	i = 10	-1,36	-1,25	-1,31	-1,68	-1,62	-1,50	-1,49	-1,77	-2,16



Die vorstehenden Berechnungsschritte (analog [AIAG MSA], Seite 198) bis einschließlich der F-Tests durchgeführt ergeben folgende Tabelle (sogenannte ANOVA-Tabelle):

Einflussgröße		SS		DF		MS		F	F _{krit}	
Teile	SSP	88,3619	DF_P	9	MS _P	9,81799	F _P	492,291	2,456	signifikant
Prüfer	SSA	3,1673	DF_A	2	MSA	1,58363	FA	79,406	3,555	signifikant
Wechselwirkung	SSAP	0,3590	DF _{AP}	18	MSAP	0,01994	F _{AP}	0,434	1,778	nicht signifikant
Messeinrichtung	SSE	2,7589	DF_E	60	MSE	0,04598				
Gesamt	TSS	94,6471	DF _{TSS}	89						

Der Signifikanztest auf dem Niveau 95% (α = 0,05) ergibt für dieses Beispiel, dass die Wechselwirkung zwischen Prüfern und Teilen nicht signifikant ist. Deshalb erübrigt sich die Berechnung der Varianzkomponenten zunächst.

Modifikation des Berechnungsmodells bei insignifikanter Wechselwirkung

Die Einflussgröße Wechselwirkung wird aus dem Modell entfernt. Dies erfordert eine Neuberechnung der Größen in der vorstehenden Tabelle in modifizierter Form. SSE und SSAP werden zu

$$SS_E^* = SS_E + SS_{AP}$$

mit

$$DF_E^* = DF_E + DF_{AP}$$

Freiheitsgraden zusammengefasst. MSE und MSAP werden durch

$$\mathsf{MS_E}^* = \frac{\mathsf{SS_E}^*}{\mathsf{DF_E}^*}$$

ersetzt. Die Parameter für den F-Test berechnen sich dann gemäß

$$F_P = \frac{MS_P}{MS_E^*} \quad \text{ mit } \quad F_{P \text{ krit }} = F_{DF_P; DF_E^*; 1-\alpha}$$

$$F_{A} = \frac{MS_{A}}{MS_{E}^{*}} \quad mit \quad F_{A \text{ krit}} = F_{DF_{A}; DF_{E}^{*}; 1-\alpha}$$

und die Schätzer für die einzelnen Varianzkomponenten σ^2 , ω^2 , γ^2 und τ^2 gemäß den folgenden, modifizierten Formeln (MS_E und MS_{AP} formal durch MS_E* ersetzt):

$$\hat{\sigma} = PV = \sqrt{\frac{MS_P - MS_E^*}{k r}}$$

$$\hat{\omega} = AV = \sqrt{\frac{MS_A - MS_E^*}{n r}}$$

$$\hat{\gamma} = INT = \sqrt{\frac{MS_E^* - MS_E^*}{r}} = 0$$

 $\hat{\gamma} = INT = \sqrt{\frac{MS_E^* - MS_E^*}{r}} = 0$

Prüferstreuung / Vergleichpräzision (engl. Appraiser Variation / Reproducibility)

Wechselwirkung Prüfer - Teil (engl. Interaction Appraiser - Part)

 $\hat{\tau} = EV = \sqrt{MS_E^*}$

Messmittelstreuung / Wiederholpräzision (engl. <u>Equipment Variation / Repeatability</u>)

 $GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$

Gesamtstreuung des Messprozesses (engl. Gauge Repeatability & Reproducibility)

 $TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$

Gesamtstreuung (inklusive Teilestreuung) (engl. Total Variation)

Beispiel (Fortsetzung)

Für die Daten aus [AIAG MSA] ergibt sich damit die folgende, modifizierte ANOVA-Tabelle:

Einflussgröße		SS		DF		MS		F	F _{krit}	
Teile	SSP	88,3619	DF_P	9	MSP	9,81799	\mathbf{F}_{P}	245,614	2,002	signifikant
Prüfer	SSA	3,1673	DFA	2	MSA	1,58363	FA	39,617	3,114	signifikant
Messeinrichtung	SS _E *	3,1179	DF _E *	78	MS _E *	0,03997				
Gesamt	TSS	94,6471	DF _{TSS}	89						



Die verbliebenen Einflussgrößen erweisen sich als signifikant, so dass die Varianzkomponenten σ^2 , ω^2 , γ^2 und τ^2 berechnet werden. Die Ergebnisse werden üblicherweise dargestellt als

Standardabweichung SD (engl. <u>S</u>tandard <u>D</u>eviation): gemäß vorstehenden Formeln (PV, AV usw.)

Varianz Var (engl. Variance):
 Var = SD²

Varianz Var bezogen auf die Gesamtvarianz TV²: %Var = Var / TV²·100% = SD² / TV²·100%

Streubreite SV (engl. <u>Study Variation</u>):
 SV = 6·SD

Streubreite SV bezogen auf die Gesamtstreubreite 6·TV: **%SV** = SV / (6·TV)·100% = SD / TV·100%·

Streubreite SV bezogen auf die Toleranz T:
%T = SV / T·100% = 6·SD / T·100%

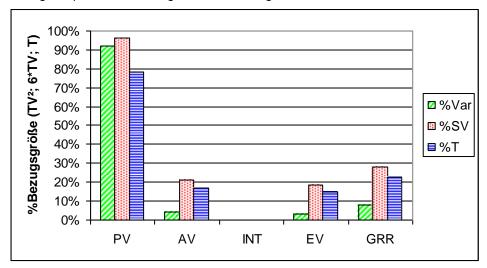
und als Tabelle zusammengefasst:

Einflussgröße		Standard- abweichung (Schätzer)	Varianz (Schätzer)	Anteil an Gesamt- varianz ¹	Streubreite (99,73%) ²	Anteil an Gesamt- streubreite	Anteil an Toleranz
		SD	Var	%Var	SV	%SV	%T
Teile (Part Variation)	PV	1,04233	1,08645	92,24%	6,25396	96,04%	78,17%
Prüfer (Appraiser Variation)	AV	0,22684	0,05146	4,37%	1,36103	20,90%	17,01%
Wechselwirkung (Interaction)	INT	0	0	0%	0	0%	0%
Messeinrichtung (Equipment Variation)	EV	0,19993	0,03997	3,39%	1,19960	18,42%	14,99%
GRR	GRR	0,30237	0,09143	7,76%	1,81423	27,86%	22,68%
Gesamtstreuung (Total Variation)	TV	1,08530	1,17788	100,00%	6,51180	100,00%	81,40%

ANMERKUNG 1: Die Summe der Anteile %SV ergibt nicht 100%, da die Einzelkomponenten SV durch die (6-fachen) Standardabweichungen SD repräsentiert werden und diese sich nicht arithmetisch sondern geometrisch zur Gesamtstreuung TV addieren (Wurzel aus der Summe der Quadrate der Einzelkomponenten SD). Aus gleichem Grund addieren sich Anteile %T nicht zum Gesamtanteil an der Toleranz.

ANMERKUNG 2: Im Beispiel wird die Toleranz T = 8 verwendet.

Zusammenfassung der prozentualen Ergebnisse als Diagramm:



Wegen 10% < %GRR ≤ 30% ist der Messprozess in diesem Beispiel nur bedingt fähig.

² AIAG MSA, Ausgabe 3, verwendet hier (inkonsistenterweise) den Bereich 99% und damit den Faktor 5,15 (statt 6,00); dies ist für die prozentualen Ergebnisse %SV ohne Bedeutung (Faktor tritt im Zähler und Nenner auf), jedoch nicht für %T. In AIAG MSA, Ausgabe 4, ist dies korrigiert, jedoch sind die Definitionen von PV, AV, INT und EV als sechsfache Standardabweichung bei ANOVA weiterhin inkonsistent mit ARM, wo PV, AV und EV einer einfachen Standardabweichung entsprechen. Im vorliegenden Heft sind diese Größen daher abweichend von AIAG MSA einheitlich als einfache Standardabweichungen definiert. Damit gelten für toleranzbezogene Größen einheitliche Berechnungsformeln für ANOVA und ARM (z.B. %GRR = 6 * GRR / T), d.h. der Faktor 6 ist stets zu berücksichtigen.



.

¹ In englischsprachiger Literatur (und in der Software Minitab®) auch als *%Contribution* bezeichnet

Auswertung von Verfahren 3

Der vorstehende Formalismus ist auf Verfahren 3 anpassbar. Dabei ist die Anzahl Prüfer k = 1 zu setzen. Dies führt zu diversen Vereinfachungen (Wegfall von $SS_A = 0$ und $SS_{AP} = 0$).

D.3 Auswertung nach der Mittelwert-Spannweiten-Methode (ARM)

Auswertungen nach der sogenannten Mittelwert-Spannweiten-Methode (engl. <u>A</u>verage <u>R</u>ange <u>M</u>ethod, **ARM**) sind nicht mehr zeitgemäß und werden grundsätzlich nicht empfohlen. Ein wesentlicher Nachteil ist unter anderem, dass Wechselwirkungen zwischen Prüfer und Teil nicht berücksichtigt werden können. Die Anwendung sollte deshalb auf Ausnahmefälle beschränkt und ggf. mit dem Kunden abgestimmt werden.

Die Grundidee von ARM ist analog ANOVA, d.h. die Zerlegung der Streuung in Anteile, die den Einflussgrößen Teile, Prüfer und Messmittel zugeordnet werden.

Szenario

An n Teilen werden von k Prüfern jeweils r Messungen durchgeführt. Die Messwerte x_{ijm} werden dokumentiert.

i = 1, ..., n; n - Anzahl Teilej = 1, ..., k; k - Anzahl Prüfer

m = 1, ..., r; r - Anzahl Messungen je Prüfer und Teil.

Berechnungen

$$R_{ij} = \text{Max}(x_{ijm}) - \text{Min}(x_{ijm}) \qquad \text{Spannweite aller Messergebnisse des Prüfers j am Teil i}$$

$$\overline{R}_{j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} R_{ij} \qquad \text{Mittelwert aller Spannweiten } R_{ij} \text{ des Prüfers j}$$

$$\overline{R} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} \overline{R}_{j} \qquad \text{Mittelwert aller mittleren Spannweiten } \overline{R}_{j}$$

$$EV = K_{1} \cdot \overline{R} \qquad \text{Messmittelstreuung / Wiederholpräzision}$$

$$(engl. \ \underline{\underline{E}quipment} \ \underline{\underline{V}ariation / Repeatability})$$

$$\overline{x}_{j} = \frac{1}{n \cdot r} \sum_{i=1}^{n} \sum_{m=1}^{r} x_{ijm} = \frac{1}{n \cdot r} \cdot x_{\bullet j \bullet} \qquad \text{Mittelwert aller Messergebnisse des Prüfers j}$$

$$R_{\overline{x}} = \text{Max}(\overline{x}_{i}) - \text{Min}(\overline{x}_{i}) \qquad \text{Spannweite aller Mittelwerte } \overline{x}_{i}$$

$$AV = \sqrt{(K_2 \cdot R_{\overline{X}})^2 - \frac{EV^2}{n \cdot r}}$$

$$Pr\"{u}ferstreuung / Vergleichpr\"{a}zision$$

$$(engl. \underline{\textbf{A}}ppraiser \underline{\textbf{V}}ariation / Reproducibility)$$

$$Wiederhol- und Vergleichpr\"{a}zision$$

$$(engl. \underline{\textbf{G}}auge \underline{\textbf{R}}epeatability \& \underline{\textbf{R}}eproducibility)$$

$$\overline{x}_i = \frac{1}{k \cdot r} \sum_{i=1}^k \sum_{m=1}^r x_{ijm} = \frac{1}{k \cdot r} \cdot x_{i \bullet \bullet} \quad \text{ Mittelwert aller Messergebnisse am Teil } i$$

$$R_P = Max(\bar{x}_i) - Min(\bar{x}_i)$$
 Spannweite aller Mittelwerte \bar{x}_i

$PV = K_3 \cdot R_P$	Teilestreuung (engl. <u>P</u> art <u>V</u> ariation)
$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$	Gesamtstreuung (engl. <u>T</u> otal <u>V</u> ariation)

Die Faktoren K₁, K₂ und K₃ werden in Abhängigkeit von der Anzahl Teile n, der Anzahl Prüfer k und der Anzahl Messungen r bestimmt (siehe auch Anhang D.4).



Beispiel

Auswertung der Beispieldaten aus [AIAG MSA], Seite 118:

							Pr	üfer						
			j	= 1			j	= 2			j	= 3		
M	esswerte		(Pri	ifer A)		(Prüfer B)				(Prüfer C)				
	X _{ijm}	N	lessun	g	Spann- weiten	Messung			Spann- weiten	N	lessun	g	Spann- weiten	Mittel- werte
		m = 1	m = 2	m = 3	R_{ij}	m = 1	m = 2	m = 3	R_{ij}	m = 1	m = 2	m = 3	Rij	\overline{x}_{i}
	i = 1	0,29	0,41	0,64	0,35	0,08	0,25	0,07	0,18	0,04	-0,11	-0,15	0,19	0,169
	i = 2	-0,56	-0,68	-0,58	0,12	-0,47	-1,22	-0,68	0,75	-1,38	-1,13	-0,96	0,42	-0,851
	i = 3	1,34	1,17	1,27	0,17	1,19	0,94	1,34	0,40	0,88	1,09	0,67	0,42	1,099
	i = 4	0,47	0,50	0,64	0,17	0,01	1,03	0,20	1,02	0,14	0,20	0,11	0,09	0,367
Teil	i = 5	-0,80	-0,92	-0,84	0,12	-0,56	-1,20	-1,28	0,72	-1,46	-1,07	-1,45	0,39	-1,064
≝	i = 6	0,02	-0,11	-0,21	0,23	-0,20	0,22	0,06	0,42	-0,29	-0,67	-0,49	0,38	-0,186
	i = 7	0,59	0,75	0,66	0,16	0,47	0,55	0,83	0,36	0,02	0,01	0,21	0,20	0,454
	i = 8	-0,31	-0,20	-0,17	0,14	-0,63	0,08	-0,34	0,71	-0,46	-0,56	-0,49	0,10	-0,342
	i = 9	2,26	1,99	2,01	0,27	1,80	2,12	2,19	0,39	1,77	1,45	1,87	0,42	1,940
	i = 10	-1,36	-1,25	-1,31	0,11	-1,68	-1,62	-1,50	0,18	-1,49	-1,77	-2,16	0,67	-1,571
Mitte	lwerte \overline{R}_j				0,184				0,513				0,328	
Mitte	lwert $\overline{\overline{R}}$								0,34167					
Mittel	lwerte \overline{x}_j		0,190				0,068				-0,254			
Span	nweite R _x						0,4446	7						
Span	Spannweite R _P													3,511

Bei n = 10 Teilen, k = 3 Prüfern und m = 3 Messungen je Prüfer und Teil gelten die K-Faktoren

 $K_1 = 0,5908$

 $K_2 = 0,5231$

 $K_3 = 0,3146$

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Einflussgröße		Standard- abweichung (Schätzer)	Varianz (Schätzer)	Anteil an Gesamt- varianz	Streubreite (99,73%)	Anteil an Gesamt- streubreite	Anteil an Toleranz
		SD	Var	%Var	SV	%SV	%Т
Teile (Part Variation)	PV	1,10445	1,21982	92,88%	6,62672	96,37%	82,83%
Prüfer (Appraiser Variation)	AV	0,22968	0,05275	4,02%	1,37810	20,04%	17,23%
Messeinrichtung (Equipment Variation)	EV	0,20186	0,04075	3,10%	1,21118	17,61%	15,14%
GRR	GRR	0,30578	0,09350	7,12%	1,83469	26,68%	22,93%
Gesamt (Total)	TV	1,14600	1,31332	100,00%	6,87601	100,00%	85,95%

Erläuterungen: Siehe entsprechende Tabelle in Anhang D.2, Seite 51.

D.4 K-Faktoren für ARM

Üblicherweise wird die unbekannte Standardabweichung σ einer normalverteilten Grundgesamtheit über die Standardabweichung s einer Stichprobe $x_1, x_2, ..., x_m$ geschätzt, die aus dieser Grundgesamtheit gezogen wird, d.h. $\hat{\sigma} = s$.

Es ist aber auch möglich, σ mit Hilfe der Spannweite $R = x_{max} - x_{min}$ dieser Stichprobe zu schätzen. Dabei ist einleuchtend, dass R mit wachsenden Stichprobenumfang m größer wird, denn je mehr Werte die Stichprobe enthält, um so wahrscheinlicher kommen darin auch sehr große und sehr kleine Werte aus den "Randbereichen" der Normalverteilung vor.

Zieht man wiederholt Stichproben vom Umfang m aus einer Grundgesamtheit mit Standardabweichung σ so ergibt sich eine mittlere Spannweite $\overline{R}_m = d_2 \cdot \sigma$.



Ist die Anzahl der Stichproben sehr groß, so ist $\hat{\sigma} = \overline{R}_m/d_2$ ein Schätzer für σ . Die Konstante d_2 kann mit Hilfe der Verteilung der standardisierten Spannweite ermittelt werden.

Komplizierter wird es, wenn die Anzahl g der Stichproben klein ist: $\hat{\sigma} = \overline{R}_{g;m}/d_2^*$. Die Ermittlung von d_2^* ist dann nur noch mit Hilfe einer Näherungsverteilung möglich.

 d_2 ist der Grenzwert von d_2^* für unendlich viele Stichproben. Werte von d_2^* können Tabellen (z. B. [AIAG MSA], Seite 203) entnommen werden. Da sich d_2^* dem Grenzwert d_2 schnell annähert, wird d_2^* in der Regel nur bis etwa g=20 tabelliert. Bei einer größeren Anzahl Stichproben verwendet man statt-dessen d_2 .

Verfahren 2: Konstanten K₁, K₂ und K₃

Die **Standardabweichung EV** (engl. <u>equipment variation</u>) wird aus insgesamt 30 Spannweiten (10 Teile x 3 Prüfer) anhand von Zweier-Stichproben (2 Messungen je Teil und Prüfer) ermittelt, d.h. g = 30 Stichproben bestehend aus jeweils m = 2 Messwerten. d_2^* für g = 30 ist nicht mehr in der Tabelle enthalten, so dass der Grenzwert $d_2 = 1,12838$ verwendet wird:

$$EV = \frac{\overline{R}_{30; 2}}{d_2} = \frac{\overline{\overline{R}}}{1,12838} = 0,8862 \cdot \overline{\overline{R}}$$
 d.h. $K_1 = 0,8862$ für 2 Messungen.

Führt jeder Prüfer anstelle von m = 2 Messungen jeweils m = 3 Messungen an jedem Teil aus, wird der Grenzwert d_2 = 1,69257 verwendet:

$$EV = \frac{\overline{R}_{30;3}}{d_2} = \frac{\overline{\overline{R}}}{1,69257} = 0,5908 \cdot \overline{\overline{R}}$$
 d.h. $K_1 = 0,5908$ für 3 Messungen.

Die **Standardabweichung AV** (engl. <u>appraiser variation</u>) wird aus der Spannweite der 3 Prüfermittelwerte berechnet, d.h. g = 1 Stichprobe bestehend aus m = 3 Mittelwerten. Der Tabellenwert ist $d_2^* = 1,91155$:

$$AV = \frac{R_{1;3}}{d_2^*} = \frac{R}{1,91155} = 0,5231 \cdot \overline{\overline{R}}$$
 d.h. $K_2 = 0,5231$ für 3 Prüfer,

oder bei nur 2 Prüfermittelwerten mit Tabellenwert d₂* = 1,41421:

$$AV = \frac{R_{1,2}}{d_2^*} = \frac{R}{1,41421} = 0,7071 \cdot \overline{\overline{R}}$$
 d.h. $K_2 = 0,7071$ für 2 Prüfer.

ANMERKUNG: Die Formel für AV nach [AIAG MSA] berücksichtigt zusätzlich einen Korrekturterm, der EV enthält.

Die **Standardabweichung PV** (engl. <u>part variation</u>) wird aus der Spannweite R_p der 10 Teilemittelwerte berechnet, d.h. g=1 Stichprobe bestehend aus m=10 Mittelwerten. Der Tabellenwert ist $d_2^*=3,17905$:

$$PV = \frac{R_{1;10}}{d_a^*} = \frac{R_p}{3,17905} = 0,3146 \cdot R_p$$
 d.h. $K_3 = 0,3146$ für 10 Teile

Bei abweichenden Anzahlen (Messungen, Prüfer, Teile) sind die Werte für die K-Faktoren (K₁, K₂, K₃) entsprechend anzupassen. Andernfalls sind die Ergebnisse der Auswertung nach der ARM-Methode fehlerhaft.

Verfahren 3: Konstanten K1 und K3

Die **Standardabweichung EV** wird im Unterschied zu Verfahren 2 aus insgesamt 25 Spannweiten (25 Teile) aus Zweier-Stichproben (2 Messungen je Teil) ermittelt, d.h. g = 25 Stichproben bestehend aus m = 2 Messwerten. d_2^* für g = 25 ist nicht mehr in der Tabelle enthalten ist. Stattdessen nimmt man den Wert $d_2 = 1,12838$:

$$EV = \frac{\overline{R}_{25;2}}{d_2} = \frac{\overline{R}}{1,12838} = 0,8862 \cdot \overline{R}$$
 d.h. $K_1 = 0,8862$ für 2 Messungen.

Die **Standardabweichung PV** wird aus der Spannweite R_p der 25 Teilemittelwerte berechnet, d.h. g = 1 Stichprobe bestehend aus m = 25 Mittelwerten. Der Tabellenwert ist $d_2^* = 3,99377$ (in [AIAG MSA], Tabelle Seite 203 nicht enthalten):

$$PV = \frac{R_{1;25}}{d_2^*} = \frac{R_p}{3,99377} = 0,2504 \cdot R_p$$
 d.h. $K_3 = 0,2504$ für 25 Teile.

Bei abweichenden Anzahlen (Messungen, Teile) sind die Werte für die K-Faktoren (K₁, K₃) entsprechend anzupassen. Andernfalls sind die Ergebnisse der Auswertung nach der ARM-Methode fehlerhaft.



D.5 Vorgehen bei unzureichender Anzahl Teile (Messobjekte)

Die "Verlässlichkeit" einer statistischen Aussage wird quantitativ durch den Vertrauensbereich bei einem bestimmten Vertrauensniveau $1-\alpha$ bestimmt, d.h. die Ausdehnung des Intervalls, in dem die Messergebnisse mit Wahrscheinlichkeit $1-\alpha$ zu erwarten sind: je geringer die Ausdehnung, um so "verlässlicher" das statistische Ergebnis.

Die Ausdehnung des Vertrauensbereichs wird durch die Anzahl Freiheitsgrade bestimmt, d.h. im wesentlichen durch die Anzahl Einzelkomponenten (z. B. Messergebnisse), aus denen das statistische Ergebnis (z. B. die Varianz) ermittelt wird.

Bei Fähigkeitsuntersuchungen an Messeinrichtungen wird die Anzahl Messergebnisse durch das Prüfszenario bestimmt, d.h. die Anzahl n der Teile, die Anzahl k der Prüfer und die Anzahl r der Messungen je Teil und Prüfer. Das Prüfszenario für eine bestimmte Prüfung ist in der Regel vorgegeben und damit auch der Vertrauensbereich für die Varianz.

Die Varianz setzt sich aus Anteilen zusammen, die bestimmten Einflussgrößen zugeordnet und mit Hilfe der Varianzanalyse (ANOVA, vgl. Anhang D.2) ermittelt werden. Die folgende Tabelle fasst die Freiheitsgrade für vier gängige Prüfszenarien zusammen:

		Verfahren 2 2 Messreihen	Verfahren 2 3 Messreihen	Verfahren 3 2 Messreihen	Verfahren 3 3 Messreihen
		Prüfszenario n = 10 k = 3 r = 2	Prüfszenario n = 10 k = 3 r = 3	Prüfszenario n = 25 k = 1 r = 2	Prüfszenario n = 25 k = 1 r = 3
Einflussgröße	Freiheitsgrade	Freiheitsgrade	Freiheitsgrade	Freiheitsgrade	Freiheitsgrade
Teile	n – 1	9	9	24	24
Prüfer	k – 1	2	2	0	0
Wechselwirkung	(n − 1)·(k − 1)	18	18	0	0
Messeinrichtung	nk·(r − 1)	30	60	25	50
Gesamt	nkr – 1	59	89	49	74

Bei Verfahren 2 und 3 ist die Einflussgröße "Messeinrichtung" von besonderer Wichtigkeit. Stehen in Ausnahmefällen weniger als die für das jeweilige Prüfszenario festgelegte Anzahl Teile n zur Verfügung, ist die Grundidee, die Parameter r und/oder k so zu verändern, dass sich für die Einflussgröße "Messeinrichtung" die gleiche Anzahl Freiheitsgrade und damit der gleiche Vertrauensbereich ergibt wie für das vorgegebene Prüfszenario. In der Regel wird die Anzahl r der Messungen verändert.

Bei n Teilen, k Prüfern und r Messungen je Teil und Prüfer besitzt die Einflussgröße "Messeinrichtung" $f = n \cdot k \cdot (r-1)$ Freiheitsgrade. Sind anstelle von n Teilen lediglich n' < n Teile verfügbar, ist die Anzahl Messungen je Teil und Prüfer r' so anzupassen, dass die resultierende Anzahl Freiheitsgrade $f' = n' \cdot k \cdot (r'-1)$ die vorgesehene Anzahl Freiheitsgrade f' nicht unterschreitet.

Eine pragmatische Lösung besteht darin, für die entsprechenden Produkte einen Mindestwert anzugeben. Gemäß [CDQ 0301] gilt für

• Verfahren 2: $n \cdot k \cdot r \ge 60$

• Verfahren 3: $n \cdot k \ge 50$

Dabei darf die Anzahl n der Messobjekte n=5 nicht unterschreiten.



D.6 Verfahren 1 – Verfahren 2 und 3: Inkonsistente Einstufung in Fähigkeitskategorien

Einstufungen von Messprozessen in die Kategorien "fähig", "bedingt fähig" oder "nicht fähig" nach Verfahren 1 sind nicht vollständig konsistent mit Einstufungen nach Verfahren 2 und 3. Dies kann zu (möglicherweise technisch unbegründeten) Problemen führen, wenn Fähigkeit nach Verfahren 1 nachweisbar ist, nicht jedoch Fähigkeit nach Verfahren 2 oder 3.

Verfahren 2 und 3 müssen auch im (theoretisch denkbaren) Grenzfall idealer Messobjekte eine verlässliche und konsistente Einstufung in Fähigkeitskategorien sicherstellen, d.h. bei Erzeugnisteilen aus einem (nahezu) idealen Fertigungsprozess ohne (signifikante) Merkmalsstreuung. In diesem Fall können die Messobjekte bzgl. ihrer Merkmalseigenschaften als identisch betrachtet werden und es ist für die Messergebnisse statistisch unerheblich, ob n verschiedene Messobjekte je einfach, n/2 Messobjekte je zweifach oder ein einziges Messobjekt n-fach gemessen werden. Werden diese Messobjekte für Verfahren 1 und 3 verwendet, wird die beobachtete Messwertstreuung s bei beiden Verfahren ausschließlich durch die Messeinrichtung verursacht, d.h. beide Verfahren liefern bzgl. Streuung statistisch identische Ergebnisse, deren Auswertung zur Einstufung der Messeinrichtung in die gleiche Fähigkeitskategorie führen müsste. Dies ist aber nicht Fall.

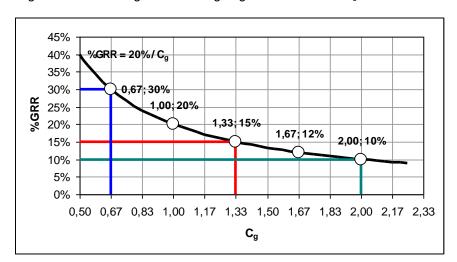
Cg und %GRR sind definiert gemäß

$$C_g = \frac{0.2 \cdot T}{6 \cdot s}$$
 bzw. $\% GRR = \frac{6 \cdot s}{T} \cdot 100\%$.

Beide Gleichungen nach 6 s / T aufgelöst und gleichgesetzt ergibt

$$\text{\%GRR} = \frac{20\%}{C_{\text{q}}} \,.$$

Das Diagramm zeigt diese Beziehung mit den festgelegten Grenzen für Cg und %GRR:



Dies führt zu folgenden Zuordnungen mit teilweise widersprüchlichen Fähigkeitseinstufungen:

C _g		%GRR	
0,50	nicht fähig	40%	nicht fähig
0,67	nicht fähig	30%	bedingt fähig (Obergrenze)
0,80	bedingt fähig (Untergrenze)	25%	bedingt fähig
1,00	bedingt fähig	20%	bedingt fähig
1,33	fähig (Untergrenze)	15%	bedingt fähig
1,67	fähig	12%	bedingt fähig
2,00	fähig	10%	fähig (Obergrenze)
4,00	fähig	5%	fähig



Diese Widersprüche haben keine physikalisch-technische Ursache, sondern sind historisch bedingt, da die Verfahren unabhängig voneinander entstanden sind: Verfahren 1 basiert auf Firmenrichtlinien und [VDA 5], Verfahren 2 auf [AIAG MSA], Verfahren 3 auf Firmenrichtlinien und (als Sonderfall von Verfahren 2) auf [AIAG MSA]. Die Einordnung quantitativer Berechnungsergebnisse in die Fähigkeitskategorien "fähig", "bedingt fähig" und "nicht fähig" beruht auf Erfahrungswerten und erfolgte damit letztendlich willkürlich und ohne Abgleich der Verfahren untereinander. Demnach existiert auch keine physikalisch-technisch begründbare Methode, diese Widersprüche zu beseitigen: Entweder man gerät bei Verfahren 1 in Widerspruch zu zahlreichen Firmenrichtlinien (einschließlich RB-interner Festlegungen und [VDA 5]) oder man gerät bei Verfahren 2 (und damit auch 3) in Widerspruch zu (den Empfehlungen) der firmenübergreifenden, internationalen Richtlinie [AIAG MSA].

Bisher existiert keine firmenübergreifend einheitliche und verbindliche Vorgabe zur Berechnung von C_g (und C_{gk}). Die Berechnungsformeln unterscheiden sich insbesondere bei den enthaltenen Zahlenfaktoren. Jedoch kann mit Hilfe konstanter Zahlenfaktoren aus mathematischen Gründen keine Konsistenz mit [AIAG MSA] hergestellt werden. Im Wesentlichen bestehen zwei Alternativen.

Alternative 1: Anpassung der Fähigkeitseinstufung von Cq an die Einstufung von %GRR

nicht fähig: $C_g < 0,67$ %GRR > 30% bedingt fähig: $0,67 \le C_g < 2,00$ 30% \ge %GRR > 10% fähig: $C_g \ge 2,00$ %GRR ≤ 10 %

Diese Alternative ist zwar konsistent mit [AIAG MSA], deren Verbindlichkeit im Vergleich zu Firmenrichtlinien und [VDA 5] im allgemeinen höher eingestuft wird. Sie führt aber in der Praxis dazu, dass auch bei Verfahren 1 die Mehrzahl der Messeinrichtungen in die Kategorie "bedingt fähig" fällt.

Alternative 2: Anpassung der Fähigkeitseinstufung von %GRR an die Einstufung von Cq

Diese Alternative dürfte unter dem Gesichtspunkt technischer Relevanz die geeignetere Anpassung sein. Sie ist jedoch nicht konsistent mit [AIAG MSA]. Insbesondere ist zu erwarten, dass die Anhebung des Grenzwertes für "fähig" auf "GRR = 15" aus Kundensicht kritisch bewertet wird, während die Absenkung des Grenzwertes für "nicht fähig" auf "GRR = 25" aus RB-Sicht kritisch ist.

Hinweis

Sofern die Anwendung dieser (oder ähnlicher) Alternativen in Betracht gezogen wird, ist dies grundsätzlich mit dem Kunden abzustimmen.



E Ergänzungen und Hinweise zu Verfahren 4 (Linearität)

E.1 Verfahren nach AIAG MSA

Verfahrensbeschreibung

- Vorbereitung: Es werden g ≥ 5 Serienteile ausgewählt, welche den zu untersuchenden Arbeitsbereich (Messbereich) der Messeinrichtung geeignet abdecken (z. B. äquidistante Unterteilung). Zu jedem Teil wird durch Messungen mit genügend kleiner Messunsicherheit ein Referenzwert xi ermittelt.
- Durchführung: Jedes dieser g Referenzteile wird vom vorgesehenen Prüfer mit der zu untersuchenden Messeinrichtung an deren vorgesehenem Einsatzort mindestens 12-mal gemessen (m ≥ 12). Die Messwerte ξ_{ik} (griech. Buchstabe "ksi") werden dokumentiert. ξ_{ik} ist der Messwert Nr. k, der am Referenzteil Nr. i gemessen wurde.

<u>Auswertung</u>

Es sind g·m Wertepaare $(x_i; \xi_{ik})$ auszuwerten mit $i = 1 \dots g$ und $k = 1 \dots m$. Die mathematische Darstellung in [AIAG MSA] hat sich in einigen Punkten als nicht ausreichend eindeutig interpretierbar erwiesen. In der nachfolgenden Darstellung wird dieses Problem unter Beibehaltung vollständiger Konformität zu [AIAG MSA] durch mathematisch eindeutige Nomenklatur und Schreibweise beseitigt. Insbesondere werden alle Summen als Doppelsummen über die Indizes i der Referenzwerte und die Indizes k der Messwerte dargestellt 3 (anstelle von Einfachsummenzeichen ohne Indizes in [AIAG MSA]).

Ermittlung der Abweichungen (Residuen)

$$y_{ik} = \xi_{ik} - x_i$$

jedes Messwerts ξ_{ik} vom jeweiligen Referenzwert x

• Grafische Darstellung der Abweichungen yik über den Referenzwerten xi

ANMERKUNG: Es ist üblich, zusätzlich die Gruppenmittelwerte (systematische Messabweichung, engl. Bias)

$$\overline{y}_i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m y_{ik}$$

einzutragen.

• Berechnung der Ausgleichsgeraden $\hat{y}(x_i) = b + a \cdot x_i$

Steigung:
$$a = \frac{\sum\limits_{i=1}^{g} \sum\limits_{k=1}^{m} (x_i \cdot y_{ik}) - \frac{1}{g \cdot m} \left(\sum\limits_{i=1}^{g} \sum\limits_{k=1}^{m} x_i\right) \cdot \left(\sum\limits_{i=1}^{g} \sum\limits_{k=1}^{m} y_{ik}\right) }{\sum\limits_{i=1}^{g} \sum\limits_{k=1}^{m} x_i^2 - \frac{1}{g \cdot m} \left(\sum\limits_{i=1}^{g} \sum\limits_{k=1}^{m} x_i\right)^2 }$$

Achsenabschnitt: $b = \frac{1}{g \cdot m} \left(\sum_{i=1}^g \sum_{k=1}^m y_{ik} - a \cdot \sum_{i=1}^g \sum_{k=1}^m x_i \right)$

• Berechnung der Vertrauensgrenzen zum Vertrauensniveau 1 - α

Mittelwert der $\overline{x} = \frac{1}{g \cdot m} \sum_{i=1}^{g} \sum_{k=1}^{m} x_i = \frac{1}{g} \sum_{i=1}^{g} x_i$ Referenzwerte:

Streuung der Messabweichungen um die Ausgleichsgerade: $s = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^g\sum\limits_{k=1}^my_{ik}^2 - b \cdot \sum\limits_{i=1}^g\sum\limits_{k=1}^my_{ik} - a \cdot \sum\limits_{i=1}^g\sum\limits_{k=1}^mx_i \cdot y_{ik}}{g \cdot m - 2}} = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^g\sum\limits_{k=1}^my_{ik} \cdot \left(y_{ik} - b - a \cdot x_i\right)}{g \cdot m - 2}}$

ANMERKUNG: Lehrbücher (vgl. z. B. [Sachs], Seite 503) geben diese Formel üblicherweise in der Form

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{g} \sum_{k=1}^{m} (y_{ik} - \hat{y}(x_i))^2}{g \cdot m - 2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{g} \sum_{k=1}^{m} (y_{ik} - b - a \cdot x_i)^2}{g \cdot m - 2}}$$

an. Die Identität beider Darstellungsweisen ist nicht unmittelbar erkennbar. Sie lässt sich durch Einsetzen der Formeln für a und b und algebraische Umformung nachweisen.

³ Für Summen, deren Argument nicht vom Laufindex der Summe abhängt, gilt $\sum_{k=1}^{m} x_i = m \cdot x_i$



 $\text{Untere Vertrauensgrenze:} \quad \text{UVG} \Big(x_0 \Big) = b + a \cdot x_0 - t_{g \cdot m - 2; \, 1 - \alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{1}{g \cdot m} + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2}} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \cdot s_i + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \left(x_i - \overline{x} \right)^2}$

$$\text{Obere Vertrauensgrenze:} \quad \text{OVG}\big(x_0\big) = b + a \cdot x_0 + t_{g \cdot m - 2; \, 1 - \alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{1}{g \cdot m} + \frac{\big(x_0 - \overline{x}\big)^2}{\sum\limits_{i=1}^g \sum\limits_{k=1}^m \big(x_i - \overline{x}\big)^2}} \cdot s$$

ANMERKUNG 1: Die Vertrauensgrenzen werden üblicherweise für das Vertrauensniveau 95% (α = 5%) berechnet. Abweichende Festlegungen sollten mit dem Kunden abgestimmt werden.

ANMERKUNG 2: Die berechneten Vertrauensgrenzen gelten für den <u>Mittelwert</u> der zu erwartenden Messabweichungen an einer beliebigen Stelle x_0 . Zur Berechnung der (hier nicht relevanten) Vertrauensgrenzen für die zugehörigen <u>Einzelwerte</u> sind abweichende Berechnungsformeln zu verwenden (vgl. [Sachs], Seite 503).

- Grafische Darstellung der Ausgleichsgeraden sowie der Vertrauensgrenzen
- Ggf. Durchführung statistischer t-Tests auf Signifikanz der Steigung und des Achsenabschnitts der Ausgleichsgeraden [AIAG MSA].

Steigung:
$$t_a = \frac{|a|}{s} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^g \sum_{k=1}^m (x_i - \overline{x})^2}$$

Die Steigung a ist statistisch insignifikant (vernachlässigbar), wenn $t_a \le t_{g \cdot m - 2; 1 - \alpha/2}$ erfüllt ist. ⁴

Achsenabschnitt:
$$t_b = \frac{|b|}{s} \cdot \sqrt{\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^g \sum_{k=1}^m (x_i - \overline{x})^2}{\frac{1}{g \cdot m} \sum_{i=1}^g \sum_{k=1}^m (x_i - \overline{x})^2 + \overline{x}^2}}$$

Der Achsenabschnitt b ist statistisch insignifikant, wenn $t_b \le t_{q \cdot m-2; 1-\alpha/2}$ erfüllt ist. ⁴

 Ggf. zusätzlich Durchführung eines statistischen F-Tests auf Verträglichkeit des linearen Modells mit den Messdaten (Empfehlung [AIAG MSA], die an dieser Stelle auf die Fachliteratur verweist).

Lineares Modell:
$$F_{LM} = \frac{\frac{1}{g-2} \cdot \sum_{i=1}^{g} \sum_{k=1}^{m} (\overline{y}_i - b - a \cdot x_i)^2}{\frac{1}{g \cdot (m-1)} \cdot \sum_{i=1}^{g} \sum_{k=1}^{m} (y_{ik} - \overline{y}_i)^2}$$
Abusinkus varan vara lineares Variables a sind attaitisch insignifikation

Abweichungen vom linearen Verhalten sind statistisch insignifikant, wenn $F_{LM} \le F_{g-2; g \cdot (m-1); 1-\alpha}$ erfüllt ist. ⁴

Wegen der Komplexität der Formeln ist die Auswertung in der Praxis nur mit Rechnerhilfe durchführbar.

Fähigkeitskriterium:

Die Nulllinie der Abweichungen y_{ik} muss vollständig innerhalb der Vertrauensgrenzen liegen. Damit gleichwertig ist die Forderung, dass die Steigung und der Achsenabschnitt der Ausgleichsgeraden nicht signifikant von null verschieden sind (t-Test [AIAG MSA]).

ANMERKUNG: Die Anwendbarkeit des Fähigkeitskriteriums setzt voraus, dass die Messdaten mit dem linearen Modell verträglich sind.

⁴ Die Werte der Quantile $t_{g \cdot m-2; 1-\alpha/2}$ und $F_{g-2; g \cdot (m-1); 1-\alpha}$ können Tabellen (z.B. [Heft 3]) entnommen oder mittels geeigneter Software bestimmt werden (z.B. MS-EXCEL: **=TINV**($\alpha; gm-2$) bzw. **=FINV**($\alpha; g-2; g(m-1)$)





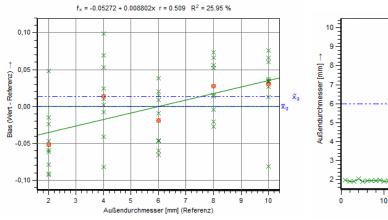
Messsystemanalyse Verfahren 4 (Linearität)

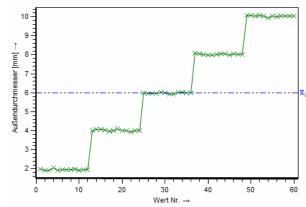
Blatt

1/1

QMM Merkmalsbez. Bereich Arbeitsgang Außendurchmesser Gruppe/Abt. QMM7 Masch.-Bez. Z-Mike 1220 Gold Merkmal Nr. Werkstatt/Ber. W780 Masch.-Nr. 1205292 Nennmaß 6,000 Erzeugnis Prüfplatz Unt. Abmaß Referenz Prüfmittel JMO0014W008 Ob. Abmaß Sachnummer Prfm.-Nr. 67027855300001 Toleranz Änd.-Stand Prfm.-Herst. Z-Mike Einheit mm 0,0001 Auflösung Kommentar

Norr	mal Bez.:				Normal	Nr.:		No	ormal-/Re	eferenzw	ert:				
i	X _{g,Ref}	X A;1	X _{A;2}	X _{A;3}	X _{A;4}	X A;5	X _{A;6}	X _{A;7}	X _{A;8}	X A;9	X _{A;10}	X _{A;11}	X _{A;12}	$x_{g,j}$	s _j
1	2,0010	1,9770	1,9220	1,9080	2,0490	1,9100	1,9420	1,9390	1,9540	1,9860	1,9080	1,9495	1,9495	1,9495	0,04038
2	4,0030	4,0170	4,0720	4,0560	4,0270	3,9620	4,0130	4,1020	3,9950	4,0050	3,9210	4,0170	4,0170	4,0170	0,04744
3	5,9990	6,0080	5,9520	5,9530	5,9520	6,0190	5,9900	5,9390	5,9330	6,0370	6,0140	5,9797	5,9797	5,9797	0,03437
4	8,0010	8,0740	8,0570	8,0150	7,9970	7,9740	8,0160	8,0530	8,0530	7,9800	8,0670	8,0286	8,0286	8,0286	0,03333
5	10,0020	######	######	######	######	######	9,9210	######	######	######	######	######	######	10,0317	0,03934





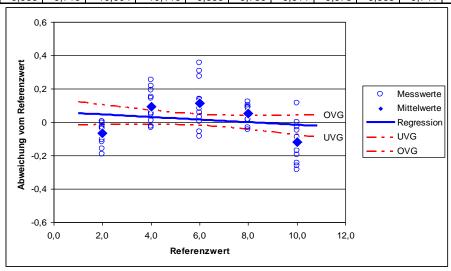
	Gerac	dengleichung:	f(x	x) = -0,05272 + 0,	008802 x	r	= 0,509	R ²	=	25,953%		
		Test der	Steigun	g bei linearer Reg	ression							
α = 5 %				H ₀ : Die Steigung	der Regres	sionsg	eraden ist 0					
α = 5 %				H ₁ : Die Steigung	der Regres	sionsg	eraden ist ur	ngleich 0				
oberer kritischer Wert (α = 5 %)	=	2,00		Tes	tergebnis is	t signi	fikant ($\alpha \leq 0$,	1 %)				
oberer kritischer Wert (α = 1 %)	=	2,66	4,50877 ***									
oberer kritischer Wert (α = 0,1 %)	=	3,47			4	,50677						
		H1***: Die Ste	igung de	er Regressionsge	raden ist ur	gleich	0					
		Test des Achs	senabso	hnitts bei linearer	Regression	n						
F 0/			H ₀ : Der Achsenabschnitt der Regressionsgeraden ist 0									
α = 5 %			H ₁ : Der Achsenabschnitt der Regressionsgeraden ist ungleich 0									
oberer kritischer Wert (α = 5 %)	=	2,00		Tes	tergebnis is	t signi	fikant ($\alpha \leq 0$,	,1 %)				
oberer kritischer Wert (α = 1 %)	=	2,66			1	,07076	***					
oberer kritischer Wert (α = 0,1 %)	=	3,47			4	,07070)					
	H1*	**: Der Achsen	abschni	itt der Regression	sgeraden is	st ungle	eich 0					
Wiederholpräzis	ion		EV:	0,0033129 ≤	0,042772	2 ≤	0,048304	%EV	=			
								Bi	=	0,051500		
		Die Anforde	rungen s	sind nicht erfüllt (r	min, t-T)			•				
		Bosch	2018 —	Verfahren 4, Line	arität							



Beispiele und Hinweise zum Verfahren nach AIAG-MSA

Erfahrungen mit dem Verfahren zeigen, dass unter Umständen auch stark **nichtlineares** (z. B. parabel förmiges) **Verhalten** einer Messeinrichtung nicht sicher erkannt wird.

F	Referenz-	Messwerte ξ _{ik}											
	werte x _i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2,001	1,960	1,928	2,006	1,809	1,971	1,996	1,896	2,004	1,965	1,841	1,973	1,883
2	4,003	3,971	4,255	4,057	4,221	4,082	4,153	4,056	3,977	4,012	4,144	4,049	4,193
3	5,999	6,058	5,914	6,079	6,003	5,943	6,137	6,127	6,132	6,029	6,356	6,272	6,304
4	8,001	8,054	8,122	7,958	8,103	8,085	8,017	8,089	8,092	8,064	8,012	7,967	8,064
5	10,002	9,953	9,715	10,004	10,116	9,886	9,759	9,911	9,973	9,885	9,741	9,805	9,832



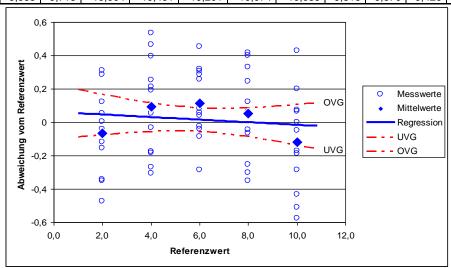
Ergebnisse der statistischen Tests für 95% Vertrauensniveau:

Steigung: 1,271 2,002 Abweichung von 0 nicht signifikant $t_a =$ $t_{g \cdot m - 2; 1 - \alpha/2} =$ Achsenabschnitt: 1.519 ≤ 2,002 Abweichung von 0 nicht signifikant $t_b =$ $t_{g \cdot m - 2; 1 - \alpha/2} =$ Lineares Modell: $F_{LM} =$ 16,055 > $F_{g-2; g\cdot (m-1); 1-\alpha} =$ 2,773 Abweichung signifikant

Nur der (von [AIAG MSA] lediglich empfohlene) Test auf Verträglichkeit der Messwerte mit dem linearen Modell zeigt signifikante Unverträglichkeit an.

Zunehmende Streuung der Messwerte begünstigt (besonders bei gleichbleibenden Mittelwerten) aufgrund der zunehmenden Breite des Vertrauensbereiches ungerechtfertigt die Erfüllung des Fähigkeitskriteriums.

F	Referenz-		Messwerte ξ _{ik}												
werte x _i		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2,001	1,960	1,928	2,006	2,124	2,286	2,311	2,054	1,847	1,650	1,526	1,658	1,883		
2	4,003	3,971	4,255	4,057	4,536	4,397	4,468	4,214	3,820	3,697	3,829	3,734	4,193		
3	5,999	6,058	5,914	6,079	6,318	6,258	6,452	6,285	5,975	5,714	6,041	5,957	6,304		
4	8,001	8,054	8,122	7,958	8,418	8,400	8,332	8,247	7,935	7,749	7,697	7,652	8,064		
5	10.002	9.953	9.715	10.004	10.431	10.201	10.074	10.069	9.816	9.570	9.426	9.490	9.832		



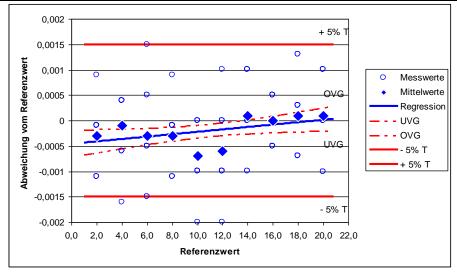
Ergebnisse der statistischen Tests für 95% Vertrauensniveau:

Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel wird nicht erkannt, dass das lineare Modell mit den Messdaten unverträglich ist, so dass das Messmittel bzgl. Linearität als "fähig" einzustufen wäre.



Das Verfahren kann sich auch als **zu empfindlich** erweisen, so dass Messmittel mit technisch exzellenten Eigenschaften bzgl. Linearität statistisch als "nicht fähig" bewertet werden.

R	eferenz-	- Messwerte ξ _{ik}											
V	verte x _i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2,0011	2,001	2,000	2,001	2,000	2,001	2,001	2,000	2,001	2,002	2,001	2,001	2,001
2	4,0006	4,001	4,000	3,999	4,000	4,001	4,001	4,001	4,000	4,001	4,001	4,001	4,001
3	6,0005	6,000	6,001	6,000	6,000	5,999	6,001	6,002	6,000	5,999	6,000	6,000	6,000
4	8,0011	8,001	8,001	8,002	8,001	8,000	8,001	8,001	8,000	8,001	8,000	8,001	8,001
5	10,0010	10,001	10,001	10,000	9,999	10,000	10,000	10,001	10,000	10,001	10,000	10,000	10,000
6	12,0010	12,001	12,000	12,000	12,002	12,000	12,001	12,001	11,999	12,000	12,000	12,000	12,000
7	14,0010	14,002	14,001	14,002	14,001	14,000	14,001	14,001	14,002	14,001	14,000	14,001	14,001
8	16,0005	16,000	16,000	16,001	16,000	16,001	16,001	16,000	16,000	16,001	16,001	16,001	16,001
9	18,0007	18,001	18,002	18,000	18,001	18,000	18,001	18,002	18,000	18,001	18,000	18,001	18,001
10	20,0000	20,001	20,000	20,000	19,999	20,000	19,999	20,000	20,001	20,000	20,001	20,000	20,000

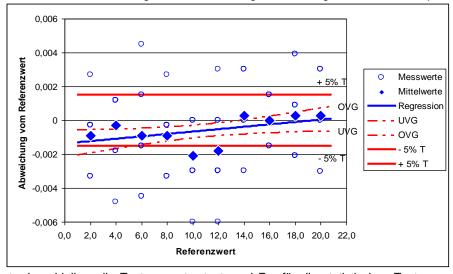


Ergebnisse der statistischen Tests für 95% Vertrauensniveau:

2,186 1,980 Abweichung von 0 signifikant $t_a =$ $t_{g \cdot m - 2; 1 - \alpha/2} =$ Achsenabschnitt: 1,980 3,429 Abweichung von 0 signifikant $t_b =$ $t_{g \cdot m - 2; 1 - \alpha/2} =$ Lineares Modell: $\leq F_{g-2; g\cdot (m-1); 1-\alpha} =$ 2,024 1,991 Abweichung nicht signifikant $F_{LM} =$

Hintergrund dieser – aus technischer Sicht überraschenderweise – negativen Ergebnisse ist, dass die statistischen Tests ausschließlich auf relativer Basis bewerten, d.h. unabhängig von der absoluten Größe der Messabweichungen yik und damit unabhängig von deren technischer Relevanz.

ANMERKUNG: Setzt man in alle Berechnungsformeln $\varepsilon \cdot y_{ik}$ anstelle von y_{ik} ein, wobei der Faktor ε für eine beliebige positive Zahl steht, resultieren die Steigung $\varepsilon \cdot a$, der Achsenabschnitt $\varepsilon \cdot b$, die Streuung $\varepsilon \cdot s$ sowie die Vertrauensgrenzen $\varepsilon \cdot UVG$ und $\varepsilon \cdot OVG$, d.h. die Größen werden ebenfalls um den Faktor ε kleiner (0 < ε < 1)·bzw. größer (ε > 1). Die Diagramme für $\varepsilon \cdot y_{ik}$ und y_{ik} erscheinen deshalb identisch, wenn zur Darstellung der Ergebnisse für $\varepsilon \cdot y_{ik}$, eine y-Achse verwendet wird, deren Skalierung um den Faktor 1/ ε gedehnt bzw. gestaucht wird. Beispiel für ε = 3:



Im Gegensatz dazu bleiben die Testparameter t_e , t_b und F_{LM} für die statistischen Tests unverändert, d.h. sie liefern unabhängig von ϵ stets die gleichen Ergebnisse.

Aus gleichem Grund kann sich das Verfahren als **zu unempfindlich** erweisen, so dass Messmittel mit technisch unzureichenden Eigenschaften bzgl. Linearität statistisch als "fähig" bewertet werden (z. B. bei starker Streuung, vgl. Seite 61, 2. Beispiel).



E.2 Mehrfache Anwendung von Verfahren 1: Ergänzende Betrachtung

Das Verfahren zum Linearitätsnachweis nach [AIAG MSA] sieht kein Kriterium vor, die technische Relevanz der statistischen Ergebnisse zu beurteilen. Die alternative Bewertung der Messungen an jedem Referenzteil i nach **Verfahren 1** bringt hingegen die Toleranz T des zu messenden Merkmals in die Bewertung ein. Die Kenngrößen C_g und C_{gk} beinhalten zusätzliche, toleranzbezogene und damit technisch relevante Kriterien für die Messwertstreuungen s_i und die systematischen Messabweichungen \bar{y}_i :

$$\label{eq:sdev} \begin{split} \text{\%SDev}_i &= \frac{s_i}{T} \cdot 100\% \leq 2{,}5\% \\ \text{\%Bias}_i &= \frac{\left|\overline{y}_i\right|}{T} \cdot 100\% = \frac{\left|\overline{\xi}_i - x_i\right|}{T} \cdot 100\% \leq \left(0{,}1 - 4 \cdot \frac{s_i}{T}\right) \cdot 100\% = 10\% - 4 \cdot \text{\%SDev}_i \end{split}$$

ANMERKUNG: Das erste Kriterium ergibt sich durch Auflösen der Definitionsgleichung für C_g nach s_i / T und Einsetzen der Bedingung $C_g \ge 1,33 = 4/3$, das zweite Kriterium durch Auflösen der Definitionsgleichung für C_{gk} nach $|\bar{\xi}_i - x_i|$ / T und Einsetzen der Bedingung $C_{gk} \ge 1,33 = 4/3$; Definitionsgleichungen: siehe Kap. 4.1.

Mit den Grenzwerten %SDe $v_i = 0$ und %SDe $v_i = 2,5\%$ ergibt sich aus dem zweiten Kriterium, dass systematische Messabweichungen im Bereich

$$0 \le \% Bias_i \le 10\%$$

unter der Bedingung akzeptabel sind, dass die zugehörigen Messwertstreuungen im Bereich

$$0 \le \text{\%SDev}_i \le 2.5\% - \frac{\text{\%Bias}_i}{4} = \text{\%SDev}_{\text{max } i}$$

liegen, d.h. 10% Abweichung sind nur bei Streuung 0 akzeptabel und 2,5% Streuung nur bei Abweichung 0.

<u>Beispiel:</u> Aus den Messwerten der Tabelle auf Seite 62 werden mit T = 0.03 mm die Kenngrößen C_g und C_{gk} abgeschätzt sowie %Bias und %SDev ermittelt. Ergebnisse, die Kriterien verletzen, sind markiert:

Referenz- wert		Mittelwert Messwerte	Standard- abweichung C _g C _{gk} Messwerte		%Bias	%SDev	%SDev _{max}	%SDev > %SDev _{max}	
1	2,0011	2,0008	0,00057	1,75	1,57	1,00%	1,91%	2,25%	
2	4,0006	4,0005	0,00064	1,56	1,51	0,33%	2,13%	2,42%	
3	6,0005	6,0002	0,00083	1,20	1,08	1,00%	2,77%	2,25%	Х
4	8,0011	8,0008	0,00057	1,75	1,57	1,00%	1,91%	2,25%	
5	10,0010	10,0003	0,00061	1,64	1,26	2,33%	2,04%	1,92%	Х
6	12,0010	12,0004	0,00076	1,31	1,05	2,00%	2,54%	2,00%	Х
7	14,0010	14,0011	0,00067	1,50	1,45	0,33%	2,22%	2,42%	
8	16,0005	16,0005	0,00048	2,10	2,10	0,00%	1,59%	2,50%	
9	18,0007	18,0008	0,00071	1,40	1,35	0,33%	2,38%	2,42%	
10	20,0000	20,0001	0,00067	1,50	1,45	0,33%	2,22%	2,42%	

ANMERKUNG: Es ist unbedingt zu beachten, dass **bestandskräftige** Auswertungen nach Verfahren 1 m ≥ 25 Messungen je Referenzteil i erfordern.

Die mehrfache Anwendung von Verfahren 1 ist demnach ähnlich aussagefähig wie das Verfahren nach [AIAG MSA]. Im Unterschied zum Verfahren nach [AIAG MSA] ist die technische Relevanz der Aussage jedoch grundsätzlich gewährleistet, da die Toleranz T in die Bewertung eingeht.



Verfahren 5: Faktoren zur Berechnung von Eingriffsgrenzen

Zur Berechnung der Eingriffsgrenzen bei Stabilitätskarten werden abhängig vom Kartentyp die Faktoren u_p , B'_{Eun} , B'_{Eob} und E'_E benötigt (vgl. Kap. 4.5.1).

Die Faktoren u_p hängen vom Vertrauensniveau $1 - \alpha$ ab sowie davon, ob es sich um ein- oder zweiseitige Grenzen handelt. Sie berechnen sich als Quantile der Standardnormalverteilung. Die folgende Tabelle enthält up zur Berechnung ein- und zweiseitiger Eingriffsgrenzen für x-Karten für die Vertrauensniveaus 99,73% (α = 0,0027) und 99% (α = 0,01).

α = 0,0027 (zweiseitig)	α = 0,01 (zweiseitig)	α = 0,0027 α = 0,01 (einseitig) (einseitig				
$u_p = -u_{\alpha/2}$	$2 = u_{1-(\alpha/2)}$	$u_p = -u_\alpha = u_{1-\alpha}$				
3,000	2,576	2,782	2,326			

Die Faktoren B'_{Eun} , B'_{Eob} und E'_{E} hängen zusätzlich vom Stichprobenumfang n ab. Sie berechnen sich aus den Quantilen der χ^2 -Verteilung (B'_{Eun}, B'_{Eob}) bzw. der Standardnormalverteilung (E'_E).

Zweiseitige Eingriffsgrenzen:

$$B_{\text{Eun}}' = \sqrt{\frac{\chi_{n-1;\,\alpha/2}^2}{n-1}} \qquad \qquad B_{\text{Eob}}' = \sqrt{\frac{\chi_{n-1;\,1-(\alpha/2)}^2}{n-1}} \qquad \qquad E_{\text{E}}' = u_{\sqrt[n]{1-(\alpha/2)}}$$

$$B'_{Eob} = \sqrt{\frac{\chi^2_{n-1; 1-(\alpha/2)}}{n-1}}$$

$$E'_E = u_{\sqrt[n]{1-(\alpha/2)}}$$

$$B'_{Eun} = \sqrt{\frac{\chi^2_{n-1;\alpha}}{n-1}}$$

Einseitige Eingriffsgrenzen:
$$B_{Eun}' = \sqrt{\frac{\chi_{n-1;\,\alpha}^2}{n-1}} \qquad \qquad B_{Eob}' = \sqrt{\frac{\chi_{n-1;\,1-\alpha}^2}{n-1}} \qquad \qquad E_E' = u_{\sqrt[\eta]{1-\alpha}}$$

$$\mathsf{E}'_\mathsf{E} = \mathsf{u}_{\sqrt[n]{1-\alpha}}$$

Die folgende Tabelle enthält die Faktoren B_{Eun}^{\prime} , B_{Eob}^{\prime} und E_{E}^{\prime} zur Berechnung ein- und zweiseitiger Eingriffsgrenzen für s- bzw. Urwertkarten für diverse Stichprobenumfänge n und die Vertrauensniveaus 99,73% (α = 0,0027) und 99% (α = 0,01).

n	α = 0,0027 (zweiseitig)				α = 0,01 weiseiti			= 0,002 einseitig		α = 0,01 (einseitig)		
••	B' _{Eun}	B' _{Eob}	ΕΈ	B' _{Eun}	B' _{Eob}	ΕΈ	B' _{Eun}	B' _{Eob}	ΕΈ	B'_Eun	B' _{Eob}	ΕΈ
2	0,002	3,205	3,205	0,006	2,807	2,807	0,003	3,000	3,000	0,013	2,576	2,575
3	0,037	2,571	3,320	0,071	2,302	2,935	0,052	2,432	3,121	0,100	2,146	2,712
4	0,100	2,283	3,399	0,155	2,069	3,023	0,126	2,172	3,205	0,196	1,945	2,806
5	0,163	2,110	3,460	0,227	1,927	3,090	0,194	2,016	3,269	0,273	1,822	2,877
6	0,218	1,991	3,509	0,287	1,830	3,143	0,252	1,908	3,320	0,333	1,737	2,934
7	0,266	1,903	3,550	0,336	1,758	3,188	0,300	1,829	3,363	0,381	1,674	2,981
8	0,306	1,835	3,585	0,376	1,702	3,227	0,341	1,767	3,399	0,421	1,625	3,022
9	0,341	1,780	3,615	0,410	1,657	3,260	0,376	1,717	3,431	0,454	1,585	3,057
10	0,371	1,735	3,642	0,439	1,619	3,290	0,405	1,675	3,460	0,482	1,552	3,089
11	0,398	1,697	3,667	0,464	1,587	3,317	0,431	1,640	3,485	0,506	1,523	3,117
12	0,422	1,664	3,689	0,486	1,560	3,341	0,454	1,610	3,509	0,527	1,499	3,143
13	0,443	1,635	3,709	0,506	1,536	3,363	0,475	1,584	3,530	0,545	1,478	3,166
14	0,461	1,609	3,728	0,524	1,515	3,383	0,493	1,561	3,549	0,562	1,459	3,187
15	0,479	1,587	3,745	0,539	1,496	3,402	0,509	1,540	3,567	0,577	1,443	3,207
20	0,545	1,502	3,817	0,600	1,425	3,480	0,573	1,462	3,642	0,634	1,380	3,289
25	0,591	1,446	3,872	0,642	1,378	3,539	0,617	1,411	3,699	0,673	1,338	3,351

Faktoren für abweichende Werte von α und n werden gemäß vorstehenden Formeln berechnet. Die Quantile $\chi^2_{f;p}$ und u_p können Tabellen entnommen oder z.B. mittels EXCEL-Arbeitsblattfunktion CHIINV(1-p;f) bzw. STANDNORMINV(p) berechnet werden. Dabei sind die Freiheitsgrade f und die Wahrscheinlichkeiten p entsprechend den Anforderungen gemäß obigen Formeln einzusetzen.

ANMERKUNG: Das Quantil $\chi^2_{f;p}$ berechnet sich mit Hilfe der EXCEL-Arbeitsblattfunktion gemäß CHIINV(1-p;f), d.h. anstelle von p ist stets 1 – p einzusetzen; Beispiel: $\chi^2_{n-1;\alpha/2} = \text{CHIINV}(1-\alpha/2; n-1)$



G Kenngröße "Kappa" (κ)

Mit Hilfe der Kenngröße "Kappa" (κ) wird der Grad der Übereinstimmung von Bewertungsergebnissen quantitativ beurteilt [ISO 14468].

Grundelement zur Beurteilung der Übereinstimmung aller Bewertungen ist das Bewertungspaar, das aus zwei Einzelbewertungen gebildet wird. Je nach Art der Auswahl, Kombination und Auswertung dieser Bewertungspaare wird zwischen Cohen's Kappa und Fleiss' Kappa unterschieden.

- Cohen's Kappa ist konzipiert, um den Grad der Übereinstimmung von Bewertungsergebnissen aus zwei Prüfdurchläufen quantitativ zu bewerten (zwei Prüfer mit je einem Prüfdurchlauf oder ein Prüfer mit zwei Prüfdurchläufen). [AIAG MSA] benutzt diesen Ansatz für mehrere Prüfer mit jeweils mehreren Prüfdurchläufen, indem bestimmte Paarungen gebildet und ausgewertet werden. Daher ist die Frage naheliegend, welche Paarungen für das Ergebnis signifikant sind.
- Fleiss' Kappa stellt eine systematische und konsequente Verallgemeinerung dar, da grundsätzlich alle theoretisch möglichen paarweisen Kombinationen der einzelnen Bewertungsergebnisse betrachtet werden.

ANMERKUNG: Im vorliegenden Heft wird ausschließlich Fleiss' Kappa behandelt. Ergänzende Dokumentation zu den Themen "Kreuztabellenmethode" und "Auswertung nach AIAG-MSA" ist bei C/QMM und über die C/QMM-Intranet-Seiten erhältlich.

Eine Gesamtheit von Bewertungsergebnissen enthält in der Regel einen bestimmten Anteil Übereinstimmungen, der durch Zufall bedingt ist – und nicht durch objektive Entscheidung. Eine wesentliche Eigenschaft der Kenngröße "Kappa" ist, dass dieser Anteil abgeschätzt und eliminiert wird, so dass nur die objektive, nicht zufallsbedingte Übereinstimmung bewertet wird.

ANMERKUNG: Ausschließlich zufällige Übereinstimmungen würde man beispielsweise erhalten, wenn Prüfer bei Sichtprüfungen mit verbundenen Augen entscheiden müssten.

G.1 Mathematische Grundlagen

HINWEIS: Dieses Kapitel wendet sich vorzugsweise an Leser, die detailliertere Informationen zur Ermittlung der Kenngröße Kappa (κ) benötigen.

Nomenklatur und Definitionen

N_O Anzahl Prüfobjekte (engl. <u>o</u>bject)

N_A; n_A*) Anzahl Prüfer (engl. <u>a</u>ppraiser)

N_T; n_T*) Anzahl Prüfdurchläufe je Prüfer (engl. <u>trial)</u>

N_R Anzahl *) Bewertungen je Prüfobjekt (engl. <u>r</u>ating)

 $N = N_O \cdot N_R$ Gesamtzahl*) Bewertungen

N_C Anzahl Bewertungskategorien (engl. <u>c</u>ategory)

 n_{ik} Anzahl *) Zuordnungen von Prüfobjekt i zu Bewertungskategorie k; i = 1... N_0 ; k = 1... N_0

 $\sum_{k=1}^{N_C} n_{ik} = N_R$ Gesamtzahl*) Zuordnungen von Prüfobjekt i zu allen N_C Bewertungskategorien; i beliebig (Anzahl*) Bewertungen je Prüfobjekt)

*)Anzahl, die abhängig vom jeweils auszuwertenden Kriterium in die Auswertung eingeht

Für jedes Prüfobjekt i (i = $1...N_0$) werden von N_A Prüfern in N_T Prüfdurchläufen insgesamt $N_A \cdot N_T$ Bewertungen abgegeben. Zusätzlich ist jedem Prüfobjekt i ein Referenzwert zugeordnet.

ANMERKUNG: Referenzwerte werden bei der Auswertung wie Bewertungen eines Prüfers mit einem Prüfdurchlauf behandelt.

Zur Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien (z. B. Wiederholpräzision, Vergleichspräzision) werden jeweils geeignete Teilmengen $n_A \le N_A$ und $n_T \le N_T$ herangezogen, d.h. Bewertungen bestimmter Prüfer und Prüfdurchläufe, und ggf. zusätzlich die Referenzwerte. Dementsprechend werden für jedes Prüfobjekt i abhängig vom jeweiligen Kriterium $n_A \cdot n_T = N_R \le N_A \cdot N_T$ bzw. bei Einbeziehung der Referenzwerte $n_A \cdot n_T + 1 = N_R \le N_A \cdot N_T + 1$ Bewertungen ausgewertet. n_{ik} dieser N_R Bewertungen ordnen dem Prüfobjekt i die Kategorie k zu. Für jedes Prüfobjekt i stehen insgesamt N_C Kategorien zur Verfügung $(k = 1...N_C)$. Die Anzahl Zuordnungen n_{ik} von Prüfobjekt i zu Kategorie k liegt im Bereich $0 \le n_{ik} \le N_R$.

Maß für die beobachtete Übereinstimmung

Als Grundelement zur Beurteilung der Übereinstimmung aller N_R Bewertungen für ein einzelnes Prüfobjekt i definiert [Fleiss] das Bewertungspaar, das aus zwei beliebigen Einzelbewertungen gebildet wird.

ANMERKUNG: Statistisch wird dabei angenommen, dass jede einzelne Bewertung von einem zufällig ausgewählten Prüfer vorgenommen wird, d.h. es wird statistische Unabhängigkeit der Bewertungsergebnisse voraus-



gesetzt. Das bedeutet unter anderem, dass von der Reihenfolge der kombinierten Einzelbewertungen nicht auf einen bestimmten Prüfer oder Prüfdurchlauf geschlossen werden kann.

Die erste dieser N_R Bewertungen lässt sich mit den übrigen (N_R-1) Bewertungen zu (N_R-1) Bewertungspaaren kombinieren. In gleicher Weise lässt sich die zweite dieser N_R Bewertungen mit den wiederum übrigen (N_R-1) Bewertungen zu weiteren (N_R-1) Bewertungspaaren kombinieren, so dass nun insgesamt 2•(N_R-1) Bewertungspaare vorliegen. Alle N_R Bewertungen für ein einzelnes Prüfobjekt i lassen sich zu

$$N_R \cdot (N_R - 1)$$

Bewertungspaaren kombinieren.

ANMERKUNG: Kombinationen aus unterschiedlichen Elementen (z. B. "ab", "xy") und Kombinationen aus gleichen Elementen in unterschiedlicher Reihenfolge (z. B. "xy", "yx") zählen gleichermaßen als eigenständige Kombinationen.

Zu allen No Prüfobjekten existieren insgesamt

$$N_O \cdot N_R \cdot (N_R - 1)$$

mögliche Bewertungspaare.

ANMERKUNG: Kombinationen aus Elementen verschiedener Prüfobjekte werden ausgeschlossen.

Zur Beurteilung der Übereinstimmung werden nur diejenigen Bewertungspaare herangezogen, die sich aus *übereinstimmenden* Einzelbewertungen zusammensetzen. n_{ik} bezeichnet die Anzahl Zuordnungen (Bewertungen) eines bestimmten Prüfobjektes i zu einer bestimmten Kategorie k. Wie bereits erläutert, lassen sich n_{ik} Bewertungen zu n_{ik}•(n_{ik}-1) Bewertungspaaren kombinieren. Folglich existieren zu einem einzelnen Prüfobjekt i in Summe über alle N_C Kategorien

$$\sum_{k=1}^{N_{C}} n_{ik} (n_{ik} - 1)$$

übereinstimmende Bewertungspaare. Zu allen No Prüfobjekten existieren dann insgesamt

$$\sum_{i=1}^{N_{C}}\sum_{k=1}^{N_{C}}n_{ik}(n_{ik}-1)$$

übereinstimmende Bewertungspaare.

Als Maß für den Grad der Übereinstimmung der N_O•N_R Einzelbewertungen für alle N_O Prüfobjekte wird nach [Fleiss] der Anteil tatsächlich beobachteter (engl. **obs**erved), übereinstimmender Bewertungspaare aus allen *möglichen* Bewertungspaaren definiert:

$$P_{Obs} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{O}} \sum_{k=1}^{N_{C}} n_{ik} \cdot (n_{ik} - 1)}{N_{O} \cdot N_{R} \cdot (N_{R} - 1)}.$$

Maß für die zufällige Übereinstimmung

Im Fall rein zufälliger Ergebnisse werden die Prüfobjekte zufällig den N_C Kategorien zugeordnet (z. B. wenn Prüfer bei Sichtprüfungen mit verbundenen Augen entscheiden müssten).

Unter der Voraussetzung vollständiger Zufälligkeit werden die No+NR Einzelbewertungen als No+NR gleichwertige Zufallsversuche zur Ermittlung der relativen Häufigkeiten verstanden, mit denen die einzelnen Kategorien k zufällig auftreten. Gleichwertig bedeutet, dass es keine Rolle spielt, von welchem Prüfer in welchem Prüfdurchlauf und für welches Prüfobjekt eine Bewertung abgegeben wird. Lediglich die Gesamtzahl Zuordnungen zu jeder Kategorie k ist maßgeblich. Die so ermittelten relativen Häufigkeiten werden als Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeiten pk verwendet, mit denen die einzelnen Kategorien k bei einem Zufallsversuch zu erwarten sind:

$$\sum_{i=1}^{N_O} \frac{n_{ik}}{N_O \cdot N_R} = p_k .$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Prüfobjekt bei einer Bewertung zufällig der Kategorie k zugeordnet wird und bei einer weiteren Bewertung zufällig der Kategorie k', berechnet sich nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie als Produkt pk•pk der Einzelwahrscheinlichkeiten pk und pk.

Für Fleiss' Kappa sind ausschließlich übereinstimmende Bewertungspaare relevant, d.h. k = k':

$$p_k \cdot p_k = p_k^2$$
.

Entsprechend gilt für den über alle N_C Kategorien zufällig zu erwartenden (engl. **exp**ected) Anteil paarweiser Übereinstimmungen:

$$P_{Exp} = \sum_{k=1}^{N_C} {p_k}^2 = \sum_{k=1}^{N_C} (\sum_{i=1}^{N_O} \frac{n_{ik}}{N_O \cdot N_B})^2 \; . \label{eq:pexp}$$



Kenngröße κ (Kappa)

Die Kenngröße κ (Kappa) ist als Anteil beobachteter, nicht zufälliger Übereinstimmungen bezogen auf den Anteil möglicher, nicht zufälliger Übereinstimmungen interpretierbar. Der Anteil beobachteter, <u>nicht</u> zufälliger Übereinstimmungen wird gemäß $P_{Obs} - P_{Exp}$ ermittelt, der Anteil möglicher, <u>nicht</u> zufälliger Übereinstimmungen gemäß $1 - P_{Exp}$. Damit berechnet sich die Kenngröße κ (Kappa) gemäß

$$\kappa = \frac{P_{Obs} - P_{Exp}}{1 - P_{Exp}} = \frac{\text{Beobachtete, nicht zufällige Übereinstimmungen}}{\text{M\"{o}gliche, nicht zufällige Übereinstimmungen}}$$

Weiterführende Informationen zu Grundlagen der Kenngröße κ (Kappa) findet der interessierte Leser in der Literatur [Fleiss-2].

G.2 Manuelle Auswertung am Beispiel der Daten aus AIAG MSA

Die Auswertung wird am Beispiel des Prüfszenarios und der Prüfdaten aus [AIAG MSA] erläutert.

Szenario

 N_A = 3 Prüfer (Name A, B und C), N_T = 3 Prüfdurchläufe (Nr. 1 – 3), N_O = 50 Referenzteile als Prüfobjekte (Nr. 1 – 50), N_C = 2 Bewertungskategorien (0 - Nicht in Ordnung, 1 - In Ordnung).

Die Prüfergebnisse wurden in einer Tabelle dokumentiert (vgl. Spalten A-1 bis C-3 der Auswerteschemata auf den Seiten 69 und 70). Die Referenzkategorien (d.h. die "richtigen" Prüfergebnisse) sind ebenfalls eingetragen.

Zu ermittelnde Kenngrößen

Zur Ermittlung der verschiedenen Kenngrößen Kappa (κ) (vgl. Seite 29) sind Prüfergebnisse und Referenzwerte gemäß folgender Tabelle einzubeziehen:

Referenzwerte gem	415	10	_						<i>,</i>	11112	·uĸ	,,,,												
Test (Vergleich)	6	In Auswertung einzubeziehende Spalten:									Spa	alte	ng	rup	nis: ope	:				Ergebnis				
	renz	Prüfergebnisse							Α:	C B C	x C	A-1 x Ref A-2 x Ref A-3 x Ref		Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref				
	Referenz	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	င္ပ	ΥY	B×	Š	AxE	A-1 x	A-2 x	A-3 x	B-1 x	B-2 x	B-3×	C-1,	C-2 x Ref	င်-၁	
Innerhalb der Prüfer:		Х	Х	Х							Х													κ _{A x A}
Übereinstimmung der					Х	Х	Х					Х												к _{в х в}
Bewertungen eines Prüfers								Х	X	Х			Х											K _{C x C}
Zwischen den Prüfern: Übereinstimmung der Bewertungen <u>aller</u> Prüfer		х	x	х	х	x	х	х	x	х				X										K _{A×B×C}
	Х	Х													Х									K _{A-1 x} Ref
	Х		Х													Х								K _{A-2 x Ref}
	Х			Х													Х							K _{A-3 x Ref}
	x	x	x	х												X								$\kappa_{A \times Ref}$ = Mittelwert $\kappa_{A-1 \times Ref}$, $\kappa_{A-2 \times Ref}$, $\kappa_{A-3 \times Ref}$
	Х				X													X						K _{B-1 x} Ref
Jeder Prüfer einzeln	Х					X													Х					K _{B-2 x Ref}
gegen Referenz:	X						Х													Х				K _{B-3 x Ref}
Übereinstimmung der Bewertungen <u>eines</u> Prüfers mit der Referenz	x				x	X	x												X					$\kappa_{\text{B x Ref}}$ = Mittelwert $\kappa_{\text{B-1 x Ref}}$, $\kappa_{\text{B-2 x Ref}}$, $\kappa_{\text{B-3 x Ref}}$
	Х							Х													Х			^K C-1 x Ref
	Х								Х													Х		^K C-2 x Ref
	Х									Х													Х	^K C-3 x Ref
	X							х	х	х												X		$\kappa_{\text{C} \times \text{Ref}}$ = Mittelwert $\kappa_{\text{C-1} \times \text{Ref}}$, $\kappa_{\text{C-2} \times \text{Ref}}$, $\kappa_{\text{C-3} \times \text{Ref}}$
Alle Prüfer zusammen gegen Referenz: Übereinstimmung der Bewertungen <u>aller</u> Prüfer mit der Referenz	х	X	х	х	X	X	х	х	X	х									х					$\kappa_{A \times B \times C \times Ref}$ = Mittelwert $\kappa_{A \times Ref}$, $\kappa_{B \times Ref}$, $\kappa_{C \times Ref}$



Vorgehen am Beispiel der Teilauswertung "Zwischen den Prüfern" (κ AxBxC)

Ве	rechnungsschritt	Formel (vgl. Anhang G.1)	Ergebnis
1.	0-Bewertungen in den Spalten A-1 bis C-3 zeilenweise	n _{i1}	
2.	1-Bewertungen in den Spalten $A-1$ bis $C-3$ zeilenweise zählen, Zählergebnisse in entsprechende Zeilen der Spalte n_{ik} , $k=2$ eintragen	n_{i2}	
3.	Spalte <i>n_{ik}</i> , <i>k=1</i> summieren	$\sum_{i=1}^{N_O=50} n_{i1} = n_1$	148
4.	Spalte <i>n_{ik}</i> , <i>k=2</i> summieren	$\sum_{i=1}^{N_O=50} n_{i2} = n_2$	302
5.	Ergebnisse der Schritte 3 und 4 addieren	$\sum_{k=1}^{N_C=2} n_k = n_1 + n_2 = N$	450
6.	Ergebnis aus Schritt 3 durch Ergebnis aus Schritt 5 dividieren	$\frac{n_1}{N} = p_1$	0,3289
7.	Ergebnis aus Schritt 4 durch Ergebnis aus Schritt 5 dividieren	$\frac{n_2}{N} = p_2$	0,6711
8.	Ergebnis aus Schritt 6 mit sich selbst multiplizieren	$p_1 \cdot p_1 = p_1^2$	0,1082
9.	Ergebnis aus Schritt 7 mit sich selbst multiplizieren	$p_2 \cdot p_2 = p_2^2$	0,4504
10	. Ergebnisse der Schritte 8 und 9 addieren	$\sum_{k=1}^{N_C=2} p_k^2 = p_1^2 + p_2^2 = P_{Exp}$	0,5586
11	Aus den Zählergebnissen in Spalte n_{ik} , $k=1$ zeilenweise. die Größen n_{ik} (n_{ik} -1) berechnen und in entsprechende Zeilen der Spalte n_{ik} (n_{ik} -1), $k=1$ eintragen	$n_{i1} \cdot (n_{i1} - 1)$	
12	Aus den Zählergebnissen in Spalte n_{ik} , $k=2$ zeilenweise. die Größen n_{ik} (n_{ik} -1) berechnen und in entsprechende Zeilen der Spalte n_{ik} (n_{ik} -1), $k=2$ eintragen		
13	Alle Werte in den Spalten <i>n_{ik}+(n_{ik}-1), k=1</i> und <i>n_{ik}+(n_{ik}-1), k=2</i> summieren	$\sum_{k=1}^{N_C=2} \sum_{i=1}^{N_O=50} n_{ik} (n_{ik}-1) = \sum_{k=1}^{N_C=2} n_k^{\ *} = n^*$	3272
14	Eine beliebige Zeile der Spalten <i>n_{ik}</i> , <i>k=1</i> und <i>n_{ik}</i> , <i>k=2</i> summieren	$\sum_{k=1}^{N_C=2} n_{ik} = N_R \text{ (für ein beliebiges i)}$	9
15	Aus dem Ergebnis von Schritt 14 die Größe $N_R \cdot (N_R - 1)$ berechnen: $9 \times (9 - 1) = 9 \times 8 = 72$	$N_R \cdot (N_R - 1) = N_R^*$	72
16	Ergebnis aus Schritt 15 mit der Anzahl Prüfobjekte N_0 multiplizieren: $50 \times 72 = 3600$	$N_O \cdot N_R \cdot (N_R - 1) = N_O \cdot N_R^{*} = N^*$	3600
17	Ergebnis aus Schritt 13 durch Ergebnis aus Schritt 16 dividieren: 3272 / 3600 = 0,9089	$\underset{k=1}{\overset{\sim}{\underset{i=1}{\longleftarrow}}} N_{O} \cdot N_{R}(N_{R}-1) \stackrel{\sim}{\underset{N^{*}}{\longrightarrow}} N^{*}$	0,9089
18	Aus den Ergebnissen der Schritte 10 und 17 Kappa gemäß Formel berechnen	$\frac{P_{\text{Obs}} - P_{\text{Exp}}}{1 - P_{\text{Exp}}} = \kappa$	0,7936



Kateg	ori	en:			Nic In (unç	3			AxI	ВхС		
jekt	2		ı		fer -			_	ıf			n	ik		n _{ik} *(ı	ո _{ik} -1)
Prüfobjekt Nr.	Referenz	A-1	A-2	A-3	-	B-2	B-3	2	ر	င္ပ		k=1	k=2		k=1	k=2
Pri	Re	٧	⋖	⋖	8	Ω	<u> </u>	ပ	ပ	ပ	Bewertung:	0	1	Bewertung:	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
2	1	1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0		0 9	9 0		0 72	72 0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0		72	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0		72	0
6	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0		4	5		12	20
7 8	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	0 1	1 1		1 0	8 9		0 0	56 72
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0		72	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
11 12	1	1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 1	1 0		0 8	9 1		0 56	72 0
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
14	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0		3	6		6	30
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
16 17	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1 1		0 0	9 9		0 0	72 72
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
20 21	1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1	1		0	9		0 12	72
22	1	0	0	0 1	0	0	0	0 1	1 1	0		4 5	5 4		20	20 12
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
25 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1		9 7	0 2		72 42	0 2
27	1	0	1	1	1	1	1	0 1	1	1		0	9		0	72
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
30 31	0	0	0	0 1	0 1	0	1	0 1	0	0 1		8 0	1 9		56 0	0 72
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
34	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1		5	4		20	12
35 36	1	1	1 1	1 0	1 1	1	1	1	1 0	1 1		0 2	9 7		0 2	72 42
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0		- 72	0
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
39 40	0	0	0	0 1	0 1	0	0	0 1	0	0 1		9 0	0 9		72 0	0 72
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9	0		72	0
43	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0		2	7		2	42
44 45	1 0	1 0		1 0	1 0	1 0		1 0	1 0	1 0		0 9	9 0		0 72	72 0
46	1	1		1	1	1		1	1	1		0	9		0	72
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	9		0	72
48	0	0	0		0	0		0	0	0		9	0		72	0
49 50	1 0	0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0		0 9	9 0		0 72	72 0
											$\sum_{i=1}^{N_O} n_{ik} = n_k$	148	302	$\sum_{i=1}^{N_O} n_{ik}(n_{ik}-1) = n_k^*$	1020	2252
Anzah	ıl Pı	rüfol	ojek	te			No	=	50		$\sum^{N_C} n_k = N$	45	50	$\sum_{k=1}^{N_{C}} n_{k}^{*} = n^{*}$	32	72
Anzah	ıl Pı	rüfer					N _A	=	3		$\frac{n_k}{N} = p_k$	0,3289	0,6711	$\sum_{k=1}^{N_C} n_{ik} = N_R$	9)
Anzah	ıl Dı	urch	ıläu	fe je	: Pri	üfer	N _T	=	3			0,1082	0,4504	$N_{R} \cdot (N_{R} - 1) = N_{R}^{*}$	7	2
Anzah	ıl Ka	aten	orie	en			N _C	=	2					N _O	5	0
		3					J		-					$N_O \cdot N_R^* = N^*$		00
											$\sum_{k=0}^{N_{C}} p_{k}^{2} = P_{Exp}$			-		
											$\sum_{k=1}^{\infty} p_k^{-} = P_{Exp}$	0,5	586	$\frac{n^*}{N^*} = P_{Obs}$	0,9	089
														$\frac{P_{Obs} - P_{Exp}}{1 - P_{Exp}} = \kappa$	0,7	936



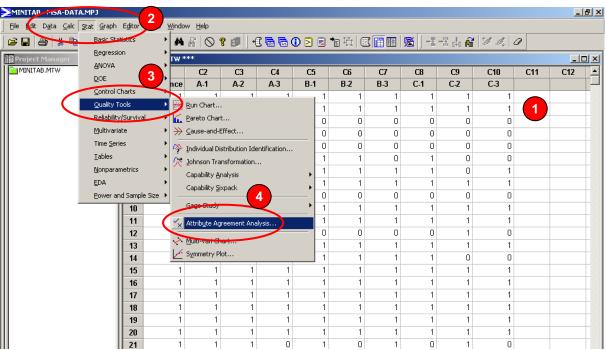
Verfahren 7: Prüfdaten mit vollständiger Auswertung

													Α	nzahl p	aarweis	se gleic	her Kon	nbinatio	nen je	Prüfobj	ekti(i=	: 1, N	o)	
Kateg	gori	en:				ht i Ord			lnu	ıng					ပ		<u>.</u>	4			<u>.</u>	<u>.</u>	J.	
ekt	υZ		F	rüf				_	auf			A×A	BxB	C × C	B x (A-1 x Ref	A-2 x Ref	A-3 x Ref	x Ref	B-2 x Ref	x Ref	x Ref	C-2 x Ref	C-3 x Ref
Prüfobjekt Nr.	Referenz	A-1	A-2	A-3	7	B-2	B-3	, ,	5	6-7-	ដ	A	В	0	Α×	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	?	C-5	ឌ
1 2	1	1	1	1	1	1 1	1 1		1 1	1	1	6	6	6 6	72 72	2	2 2	2 2	2	2	2 2	2 2	2 2	2
3	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4 5	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
6	1	1	1	0	1	1	0		1	0	0	2	2	2	32	2	2	0	2	2	0	2	0	0
7 8	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1	0 1	1	6 6	6 6	2 6	56 72	2 2	2 2	2	2 2	2 2	2 2	2 2	0 2	2 2
9	0	0 1	0 1	0 1	0	0 1	0		0 1	0	0	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
10 11	1	1	1	1	1	1	1 1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 13	0 1	0	0	0	0 1	0	0		0 1	1	0	6 6	6 6	2 6	56 72	2 2	2 2	2	2 2	2 2	2 2	2 2	0 2	2
14	1	1	1	0	1	1	1		1	0	0	2	6	2	36	2	2	0	2	2	2	2	0	0
15 16	1	1 1	1	1	1	1 1	1		1 1	1	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2
17	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18 19	1	1	1	1	1	1	1 1		1 1	1	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
20	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21 22	1	0	1 0	0	1 0	0 1	1		0 1	1	0	2 2	2 2	2 2	32 32	2 2	2 2	0	2 2	0	2 2	0 0	2 0	0 2
23	1	1	1	1	1	1	1	•	1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24 25	1 0	1	1 0	1 0	1 0	1 0	1		1 0	1 0	1 0	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
26	0	0	1	0	0	0	0		0	0	1	2	6	2	44	2	0	2	2	2	2	2	2	0
27 28	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
29	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72 56	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30 31	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1		0 1	0 1	0	6 6	2 6	6 6	56 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	0 2	2 2	2 2	2 2
32 33	1	1	1 1	1	1	1	1 1		1	1	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
34	1 0	1 0	0	1 1	1 0	1 0	1		1 0	1	1	2	2	2	32	2	2	0	2	2	0	2	0	0
35 36	1 1	1 1	1 1	1 0	1 1	1 1	1 1		1 1	1	1	6 2	6 6	6 2	72 44	2 2	2 2	2	2 2	2 2	2 2	2 2	2	2 2
37	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38 39	1 0	1 0	1 0	1	1	1	1		1 0	1	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2
40	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
41 42	1	1	1 0	1	1 0	1 0	1 0		1 0	1 0	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2
43	1	1	0	1	1	1	1		1	1	0	2	6	2	44	2	0	2	2	2	2	2	2	0
44 45	1	1	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0		1 0	1 0	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
46	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47 48	1	1	1 0	1 0	1 0	1 0	1		1 0	1 0	1	6 6	6 6	6 6	72 72	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
49	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	6	6	6	72	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50 Beob										0	0	6 268	6 280	6 260	72 3272	2 100	2 96	2 88	2 100	96	2 94	2 96	2 86	2 88
gleicl Mögli	iche	e Ar	zał	nl p				gl	eic	che	r	300	300	300	3600	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Komk Beob	ach	tete	r A	nte						* * *		0,8933						0,8800	1,0000			0,9600		
gleicl												50	47	51	148	32	32	34	32	32	31	32	33	34
	Beobachtete Anzahl Bewertungen je Kategorie n_k (k = 1, N_C)					100	103	99	302	68	68	66	68	68	69	68	67	66						
Gesamtzahl Bewertungen N 150 150					150	450	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
Beobachteter Anteil Bewertungen je 0,3333 0,3133 0,34						0,3289 0,6711	0,32 0,68	0,32 0,68	0,34 0,66	0,32 0,68	0,32 0,68	0,31 0,69	0,32 0,68	0,33 0,67	0,34 0,66									
Erwa Bewe						_	_			r					0,5586							0,5648		
Карр	a: -	P _{Obs}	– P - P _{Ex}	Exp p	= κ							0,7600	0,8451	0,7029	0,7936	1,0000	0,9081	0,7326	1,0000	0,9081	0,8597	0,9081	0,6834	0,7326
Kappa: Jeder Prüfer gegen Referenz (Mittelwerte)								0,8802			0,9226			0,7747										
Kappa: Alle Prüfer gegen Referenz (Mittelwert)							0,8592																	

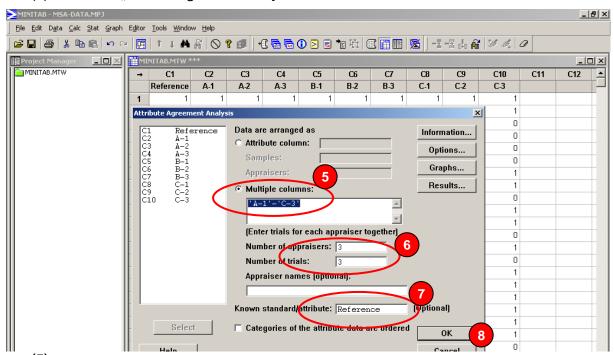


G.3 Auswertung mittels kommerzieller Statistik-Software: Minitab

Die folgende Kurzanleitung soll die schematische Bearbeitung von Standardfällen ermöglichen. Für alle übrigen Fälle, insbesondere bei Änderung von Voreinstellungen, Nutzung weiterer Funktionalitäten usw. ist eine Anwenderschulung unverzichtbar.



- (1) Arbeitsblatt (Worksheet) anlegen, Referenzdaten und auszuwertende Prüfergebnisse eintragen
- (2) Menü "Stat" anwählen
- (3) Untermenü "Quality Tools" anwählen
- (4) Untermenü "Attribute Agreement Analysis" anwählen



- (5) Feld "Multiple Columns" aktivieren, Namen der Spalten mit den Prüfergebnissen eintragen
- (6) Feld "Number of appraisers" anwählen, Anzahl Prüfer eintragen Feld "Number of trials" anwählen, Anzahl Prüfdurchläufe je Prüfer eintragen
- (7) Feld "Known standard/attribute" anwählen, Namen der Spalte mit den Referenzdaten eintragen
- (8) OK

Die Ergebnisse der Auswertung werden im sogenannten "Session Window" angezeigt.



Ergebnisse der Auswertung im Minitab Session Window

Attribute Agreement Analysis for A-1; A-2; A-3; B-1; B-2; B-3; C-1; C-2; C-3

Within Appraisers

Assessment Agreement

Appraiser	# Inspected	# Matched	Percent	95 % CI
1	50	42	84,00	(70,89; 92,83)
2	50	45	90,00	(78,19; 96,67)
3	50	40	80,00	(66,28; 89,97)

Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

Fleiss' Kappa Statistics

Appraiser	Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
1	0	0,760000	0,0816497	9,3081	0,0000
	1	0,760000	0,0816497	9,3081	0,0000
2	0	0,845073	0,0816497	10,3500	0,0000
	1	0,845073	0,0816497	10,3500	0,0000
3	0	0,702911	0,0816497	8,6089	0,0000
	1	0,702911	0,0816497	8,6089	0,0000

Each Appraiser vs Standard

Assessment Agreement

```
Appraiser # Inspected # Matched Percent 95 % CI
1 50 42 84,00 (70,89; 92,83)
2 50 45 90,00 (78,19; 96,67)
3 50 40 80,00 (66,28; 89,97)
```

Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.

Assessment Disagreement

```
Appraiser # 1 / 0 Percent # 0 / 1 Percent # Mixed Percent
               0
                     0,00
                             0
                                      0,00
                                               8
                                                   16,00
                     0,00
                                      0,00
                                                      10,00
2
               0
                                0
                                                 5
3
               0
                     0,00
                                0
                                      0,00
                                                10
                                                     20,00
```

```
# 1 / 0: Assessments across trials = 1 / standard = 0. # 0 / 1: Assessments across trials = 0 / standard = 1. # Mixed: Assessments across trials are not identical.
```

Fleiss' Kappa Statistics

Appraiser	Response	Kappa	SE Kappa	Z	P(vs > 0)
1	0	0,880236	0,0816497	10,7806	0,0000
	1	0,880236	0,0816497	10,7806	0,0000
2	0	0,922612	0,0816497	11,2996	0,0000
	1	0,922612	0,0816497	11,2996	0,0000
3	0	0,774703	0,0816497	9,4881	0,0000
	1	0,774703	0,0816497	9,4881	0,0000



Between Appraisers

Assessment Agreement

```
# Inspected # Matched Percent 95 % CI 50 39 78,00 (64,04; 88,47)
```

Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

Fleiss' Kappa Statistics

Response Kappa SE Kappa Z P(vs > 0) 0 0,793606 0,0235702 33,6698 0,0000 1 0,793606 0,0235702 33,6698 0,0000

All Appraisers vs Standard

Assessment Agreement

```
# Inspected # Matched Percent 95 % CI 50 39 78,00 (64,04; 88,47)
```

Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

Fleiss' Kappa Statistics

Response Kappa SE Kappa Z P(vs > 0) 0 0,859184 0,0471405 18,2260 0,0000 1 0,859184 0,0471405 18,2260 0,0000

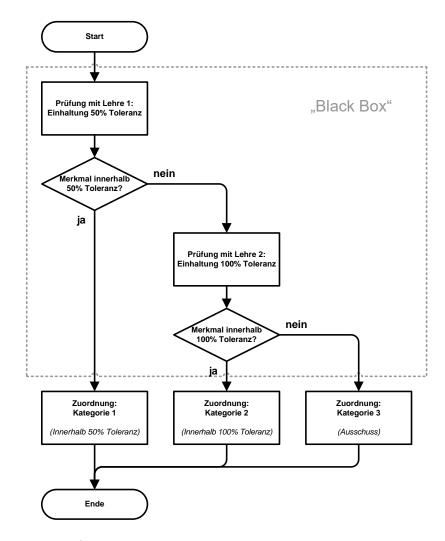


G.4 Ein- und mehrstufige Bewertungsprozesse: Beispiel Lehrenprüfung

Prüfszenario

Prüfobjekte sollen nach ihren Abweichungen vom Nennwert verlesen werden, d.h. jedem Prüfobjekt soll eine der drei Kategorien "Innerhalb 50% Toleranz", "Innerhalb 100% Toleranz" und "Ausschuss" zugeordnet werden. Dazu werden zwei Lehren eingesetzt, die auf Einhaltung der 50%- und 100%-Toleranzgrenzen prüfen.

Prüfprozess



Bei der Beurteilung des Prüfprozesses sind zwei Sichtweisen möglich.

- Einstufiger Bewertungsprozess: Die Lehrenprüfungen werden als eine einzige "Black Box" betrachtet, die in einem einzigen Prüfschritt eine von mehreren Kategorien zuordnet. Der gesamten "Black Box" wird eine einzige Prüfprozessfähigkeit zugeordnet.
- Mehrstufiger Bewertungsprozess: Die Lehrenprüfungen werden als serieller Prüfprozess betrachtet, der in <u>mehreren</u> Prüfschritten jeweils eine von <u>zwei</u> Kategorien zuordnet. Jedem einzelnen Prozessschritt wird eine eigene Prüfprozessfähigkeit zugeordnet.

Bei manuellen Prüfprozessen erweist sich der mehrstufige Bewertungsprozess in der Praxis meist als zuverlässiger. Der einstufige Bewertungsprozess eignet sich vorzugsweise für weitgehend automatisierte Prüfprozesse.



Symbolverzeichnis

%AV AV bezogen auf eine Bezugsgröße (z. B. Toleranz)
%EV EV bezogen auf eine Bezugsgröße (z. B. Toleranz)
%GRR GRR bezogen auf eine Bezugsgröße (z. B. Toleranz)
%PV PV bezogen auf eine Bezugsgröße (z. B. Toleranz)

α Irrtumswahrscheinlichkeit

AV Prüferstreuung / Vergleichpräzision (engl. Appraiser Variation / Reproducibility)

B'_{Eob} , B'_{Eun} Faktoren zur Berechnung der Eingriffsgrenzen von s-Stabilitätskarten

C_a potentieller Fähigkeitsindex (ohne Berücksichtigung der systematischen Messabweichung)

C - engl. capability (dtsch. Fähigkeit); g - engl. qauge (dtsch. Messgerät)

C_{gk} kritischer Fähigkeitsindex (mit Berücksichtigung der systematischen Messabweichung)

k - jap. **k**atayori (dtsch. systematische Abweichung)

d mittlere Breite der Unsicherheitsbereiche mit uneinheitlichen Prüfentscheiden (Verfahren 6)
 d1, d2 Breiten der Unsicherheitsbereiche mit uneinheitlichen Prüfentscheiden (Verfahren 6)

E'_E Faktor zur Berechnung der Eingriffsgrenzen von Urwertkarten

EV Messmittelstreuung / Wiederholpräzision (engl. Equipment Variation / Repeatability)

f Anzahl Freiheitsgrade

GRR Wiederhol- und Vergleichpräzision des Messprozesses (engl. **G**auge **R**epeatability and

Reproducibility); Gesamtstreuung des Messprozesses, d.h. frei von Streuungsanteilen

aus der Fertigungsstreuung der Teile (Messobjekte)

i Laufindex (Nummer) der Stichprobenelemente: Messwerte und/oder Teile (Messobjekte)

in der Stichprobe (1 < i < n)

k Anzahl Prüfer

K₁, K₂, K₃ Faktoren zur Berechnung von EV, AV und PV nach der Spannweitenmethode (ARM)

μ Mittelwert (Erwartungswert) der Grundgesamtheit

n Stichprobenumfang: Anzahl Messungen und/oder Teile (Messobjekte) in der Stichprobe

ndc Anzahl unterscheidbarer Klassen innerhalb der Streubreite der Messobjekte

(engl. number of distinct categories)

OEG obere Eingriffsgrenze der x-Stabilitätskarte
OEG obere Eingriffsgrenze der s-Stabilitätskarte

OGW spezifizierter oberer Grenzwert

OGW* natürlicher (physikalisch bedingter) oberer Grenzwert

OGW₀ obere Akzeptanzgrenze für Messwerte z bei einseitigem oberen Grenzwert OGW

(ohne natürliche Untergrenze)

PV Teilestreuung (engl. **P**art **V**ariation)

r Anzahl Messreihen (Anzahl Messungen je Messobjekt)
R_{A, i} Spannweite der Messwerte von Prüfer A am Teil Nr. i

R_A Mittelwert der Spannweiten R_{A, i}

 $R_{B,i}$ Spannweite der Messwerte von Prüfer B am Teil Nr. i

R_B Mittelwert der Spannweiten R_{B i}

R_{C, i} Spannweite der Messwerte von Prüfer C am Teil Nr. i

R_C Mittelwert der Spannweiten R_{C, i}

R_i Spannweite der Messwerte an Teil Nr. i (Verfahren 3)

 R_p Spannweite der Mittelwerte x_i

 $\overline{\overline{R}}$ Mittelwert der Spannweiten R_i (Verfahren 3) $\overline{\overline{R}}$ Mittelwert der mittleren Spannweiten $\overline{R_A}$, $\overline{R_B}$, $\overline{R_C}$

 $R_{\overline{\chi}}$ Spannweite der Mittelwerte x_A , x_B , x_C



Х _ Хі

Z

z₀ z

s Standardabweichung der Messwerte x_i Toleranz (des zu messenden Merkmals) T^* (positive) Differenz aus spezifiziertem Grenzwert und natürlichem Grenzwert Quantil der t-Verteilung mit Wahrscheinlichkeit p bei f Freiheitsgraden t_{f;p} Gesamtstreuung (engl. <u>T</u>otal <u>V</u>ariation) des Messprozesses und der Teile (Messobjekte) TV Messunsicherheit, die einem Messergebnis zugeordnet ist U untere Eingriffsgrenze der x-Stabilitätskarte UEG untere Eingriffsgrenze der s-Stabilitätskarte UEG_s UGW spezifizierter unterer Grenzwert UGW* natürlicher (physikalisch bedingter) unterer Grenzwert untere Akzeptanzgrenze für Messwerte z bei einseitigem unteren Grenzwert UGW UGW₀ (ohne natürliche Obergrenze) U_{kal} Unsicherheit der Kalibrierung Faktor zur Berechnung der Eingriffsgrenzen von x-Stabilitätskarten u _p Mittelwert der Messwerte von Prüfer A \mathbf{x}_{A} Mittelwert der Messwerte von Prüfer B \mathbf{x}_{B} \mathbf{x}_{C} Mittelwert der Messwerte von Prüfer C Messwert Nr. i X_i Referenzwert des Referenzteils (engl. master) \mathbf{x}_{m} Mittelwert der Messwerte x_i

In einzelnen Kapiteln abweichend definierte und/oder zusätzlich verwendete Symbole

Messwert, der nach abgeschlossener Untersuchung ermittelt wird

Anhang D (Verfahren 2 und 3): Siehe Symboldefinitionen in den einzelnen Unterkapiteln

Mittelwert der Messwerte am Teil (Messobjekt) Nr. i

(z. B. während des Fertigungsprozesses)

(hypothetischer) Mittelwert der Messwerte z

richtiger Wert zum Messwert z

Anhang E (Verfahren 4):

%Bias _i	systematische Messabweichung der Messwerte ξ_{ik} am Referenzteil Nr. i bezogen auf die Toleranz des zu messenden Merkmals
%SDev _i	Standardabweichung s $_{\rm i}$ der Messwerte $\xi_{\rm ik}$ am Referenzteil Nr. i bezogen auf die Toleranz des zu messenden Merkmals
%SDev _{maxi}	maximales %SDev _i , das am Referenzteil Nr. i akzeptabel ist
а	Steigung der Ausgleichsgeraden
b	Achsenabschnitt der Ausgleichsgeraden
ε	beliebige positive Zahl
$F_{f_1; f_2; p}$	Quantil der F-Verteilung mit Wahrscheinlichkeit p bei f_1 und f_2 Freiheitgraden (im Zähler bzw. Nenner)
F_{LM}	Prüfgröße für die statistische Signifikanz der Abweichung der Messwerte vom <u>I</u> inearen <u>M</u> odell
g	Anzahl Referenzteile
i	Laufindex (Nummer) der Referenzteile (1 \leq i \leq g)
k	Laufindex (Nummer) der Messwerte an einem bestimmten Referenzteil (1 \leq k \leq m)
m	Anzahl Messwerte je Referenzteil
OVG	obere Vertrauensgrenze der systematischen Messabweichungen



(Rest-)Streuung der Messabweichungen um die Ausgleichsgerade s s i Standardabweichung der Messwerte $\,\xi_{ik}\,$ am Referenzteil Nr. i Prüfgröße für die statistische Signifikanz der Steigung a der Ausgleichsgeraden Prüfgröße für die statistische Signifikanz des Achsenabschnitts b der Ausgleichsgeraden Quantil der t-Verteilung mit Wahrscheinlichkeit p bei f Freiheitsgraden $t_{f;p}$ UVG untere Vertrauensgrenze der systematischen Messabweichungen beliebiger Wert auf der x-Achse im Bereich der Referenzwerte xi \mathbf{x}_0 Referenzwert des Referenzteils Nr. i \mathbf{x}_{i} Mittelwert der Messwerte $\,\xi_{ik}\,$ am Referenzteil Nr. i ξį X Mittelwert der Referenzwerte x_i Messwert Nr. k am Referenzteil Nr. i ξ_{ik} Messabweichung des Messwertes Nr. k am Referenzteil Nr. i vom Referenzwert x_i \mathbf{y}_{ik} systematische Messabweichung der Messwerte $\,\xi_{ik}\,$ am Referenzteil Nr. i vom Referenzyi wert x_i

Kapitel 5.2, Anhang G (Verfahren 7):

,	
i	Laufindex (Nummer) der Prüfobjekte (1 \leq i \leq N _O)
k	Laufindex (Nummer) der Bewertungskategorie (1 \leq k \leq N _C)
κ	beobachtete, nicht zufällige Überstimmungen bezogen auf alle möglichen, nicht zufälligen Übereinstimmungen
^K INDEX	κ für ein bestimmtes, durch "INDEX" (z. B. A x B x C) näher bezeichnetes Kriterium (z. B. κ_{AxBxC} : κ für das Kriterium "Übereinstimmung der Bewertungen der Prüfer A, B, C")
N	Gesamtzahl Bewertungen
N_O	Gesamtzahl Prüfobjekte (engl. <u>O</u> bject)
N_A	Gesamtzahl Prüfer (engl. Appraiser)
n _A	Anzahl Prüfer, die abhängig vom jeweils auszuwertenden Kriterium in die Auswertung eingeht
N_{C}	Gesamtzahl Bewertungskategorien (engl. <u>C</u> ategory)
n _{ik}	Anzahl Zuordnungen von Prüfobjekt i zu Bewertungskategorie k
N_R	Gesamtzahl Bewertungen je Prüfobjekt (engl. Rating)
N_{T}	Gesamtzahl Prüfdurchläufe je Prüfer (engl. <u>T</u> rial)
n _T	Anzahl Prüfdurchläufe je Prüfer, die abhängig vom jeweils auszuwertenden Kriterium in die Auswertung eingeht
P_{Exp}	Anteil zufällig zu erwartender, übereinstimmender Bewertungspaare aus allen möglichen Bewertungspaaren (engl. Exp ected)
p_k	Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit, mit der bei einem Zufallsversuch die Zuordnung zu Bewertungskategorie k zu erwarten ist
P_{Obs}	Anteil tatsächlich beobachteter, übereinstimmender Bewertungspaare aus allen mög-

solara.MP®-Formblätter:

%IA	IA bezogen auf eine Bezugsgröße (z.B. Toleranz)
%RE	RE bezogen auf eine Bezugsgröße (z. B. Toleranz)
Bi	systematische Messabweichung (engl. <u>Bi</u> as)
i	Laufindex (Nummer) der Messwerte in der Stichprobe: $1 \le i \le n_{ges}$ (Verfahren 1)
IA	Wechselwirkung zwischen Prüfern und Teilen (engl. InterAction)
j	(siehe n)
M	Mittellage der Messwerte x _i (Verfahren 5)

lichen Bewertungspaaren (engl. Observed)



 $\hat{\mu}_{\text{INDEX}}$ Schätzer für die Lage der Grundgesamtheit (INDEX: Code für Berechnungsart) n Laufindex (Nummer) der Teile (Messobjekte) in der Stichprobe (Verfahren 2, 3, 6)

n_{eff} Gesamtzahl Messwerte, die spezifizierte Grenzwerte einhalten

n_{ges} Gesamtzahl Messwerte

OSG spezifizierter oberer Grenzwert

RE Auflösung der Messeinrichtung (engl. **RE**solution)

Ref kontinuierliche Referenzwerte der Referenzteile (Verfahren 6)

RF Bezugsgröße (engl. ReFerence), z. B. Toleranz

 R_a Spannweite der Messwerte x_i

 s_q Standardabweichung der Messwerte x_i

 $\mathbf{s}_{\mathrm{g}\;\mathrm{j}}$ Standardabweichung der Messwerte am Teil (Messobjekt) Nr. j

 $\hat{\sigma}_{INDEX}$ Schätzer für die Streuung der Grundgesamtheit (INDEX: Code für Berechnungsart)

 \bar{s}_g Mittelwert der Standardabweichungen aller Stichproben (Verfahren 5) \bar{s}_g Medianwert der Standardabweichungen aller Stichproben (Verfahren 5) \bar{t}_m Mittenwert zwischen oberem und unterem Grenzwert ("Toleranzmitte")

T_{min}(%GRR) Mindestwert der Bezugsgröße (Toleranz), mit dem das Fähigkeitskriterium für %GRR

erfüllbar ist

 T'_{min} (%GRR) Mindestwert der Bezugsgröße (Toleranz), mit dem das Fähigkeitskriterium für %GRR

bedingt erfüllbar ist

 $T_{min}(C_g)$ Mindestwert der Bezugsgröße (Toleranz), mit dem das Fähigkeitskriterium für C_g erfüll-

bar ist

 $T_{min}(C_{qk})$ Mindestwert der Bezugsgröße (Toleranz), mit dem das Fähigkeitskriterium für C_{qk} erfüll-

bar ist

T_{min}(RE) Mindestwert der Bezugsgröße (Toleranz), mit dem die Anforderung an RE erfüllbar ist

USG spezifizierter unterer Grenzwert

 $x_{A;1}, x_{A;2}$ Messwerte der 1. bzw. 2. Messreihe von Prüfer A (Verfahren 2, 3);

Prüfergebnisse des 1. bzw. 2. Prüfdurchlaufs von Prüfer A (Verfahren 6)

x_{A:1}...x_{A:12} Messwerte Nr. 1 bis 12 am Referenzteil (Verfahren 4)

x_{B;1}, x_{B;2} Messwerte der 1. bzw. 2. Messreihe von Prüfer B (Verfahren 2, 3);

Prüfergebnisse des 1. bzw. 2. Prüfdurchlaufs von Prüfer B (Verfahren 6)

x_{C:1}, x_{C:2} Messwerte der 1. bzw. 2. Messreihe von Prüfer C (Verfahren 2, 3)

x_i Messwert Nr. i (in einer Stichprobe)

 x_{maxg} , x_{ming} Größter bzw. kleinster Wert der Messwerte x_i

 \bar{x}_g Mittelwert der Messwerte x_i

x_{a j} Mittelwert der Messwerte am Teil (Messobjekt) Nr. j

x_{g Ref} Referenzwert des Referenzteils (Verfahren 4)

 $\begin{array}{ll} x_g & \text{Mittelwert der Mittelwerte } x_{g\,j} \\ \overline{\widetilde{x}}_{g\,j} & \text{Medianwert der Mittelwerte } \overline{x}_{g\,j} \end{array}$



Begriffe

HINWEIS 1: Die nachstehenden Begriffsdefinitionen wurden den jeweils zitierten Normen entnommen. Zugehörige Anmerkungen wurden nur in Einzelfällen übernommen, wenn sie für das Verständnis eines Normbegriffes als unmittelbar relevant und/oder unverzichtbar bewertet wurden. Ansonsten wird bzgl. Anmerkungen und Beispielen auf die jeweilige Norm verwiesen.

HINWEIS 2: "Redaktionelle Anmerkungen" sind kein Bestandteil der jeweiligen Norm.

HINWEIS 3: Es werden vorzugsweise die Begriffsdefinitionen gemäß [VIM] verwendet. Sofern Begriffe nicht in [VIM] enthalten sind, wird die aktuellste Definition aus den Normen [ISO 3534-2], [ISO 3534-1], [ISO 9000], [ISO 10012], [DIN 1319-2] und [DIN 1319-1] übernommen (oder in einigen Fällen zusätzlich aufgeführt). Nicht genormte Definitionen werden nur verwendet, wenn die genannten Normen keine Definition bereitstellen.

HINWEIS 4: Begriffe, deren Definitionen in der Zusammenstellung enthalten sind, werden bei Verwendung in Definitionen anderer Begriffe fett dargestellt.

Abweichung (engl. error): siehe Messabweichung [VIM, 2.16]

Anforderung (engl. requirement)

Erfordernis oder Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist [ISO 9000, 3.1.2]

Anzeige (engl. indication)

Von einem Messgerät oder Messsystem gelieferter Größenwert [VIM, 4.1]

Anzeigendes Messgerät (engl. indicating measuring instrument)

Messgerät, das ein Ausgangssignal als Träger der Information über den Wert der Größe, die gemessen wird, liefert

ANMERKUNG 1: Ein anzeigendes Messgerät kann eine Aufzeichnung seiner Anzeige liefern

ANMERKUNG 2: Ein Ausgangssignal kann in visueller oder akustischer Form erfolgen. Es kann auch an ein oder mehrere andere Geräte übertragen werden.

[VIM, 3.3]

Art einer Größe (engl. kind of quantity, kind): siehe Größenart [VIM, 1.2]

Auflösung (engl. resolution)

Kleinste Änderung einer **Messgröße**, die in der entsprechenden **Anzeige** eine merkliche Änderung verursacht [VIM, 4.14]

<u>Auflösung eines visuell anzeigenden Messgerätes</u> (engl. resolution of a displaying device)

Kleinste Differenz zwischen den Anzeigen, die sinnvoll unterschieden werden können [VIM, 4.15]

Auswahleinheit (engl. sampling unit, unit)

Einer der einzelnen Teile, in die eine Grundgesamtheit gegliedert ist

ANMERKUNG 1: Eine Auswahleinheit kann eine oder mehrere **Einheiten** enthalten, z.B. eine Schachtel mit Streichhölzern, jedoch wird nur ein (einziges) **Ermittlungsergebnis** für die Auswahleinheit erhalten

[ISO 3534-2, 1.2.14]

Bias der Messung (engl. measurement bias)

Schätzwert einer systematischen Messabweichung [VIM, 2.18]

Diskretes Merkmal (engl. discrete characteristic)

Merkmal, dessen Merkmalswerte die Zählwerte einer zählbaren Eigenschaft sind (z. B. gut / schlecht, in Ordnung / nicht in Ordnung, rot / grün / blau); *in Anlehnung an* [CDQ 0301]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Eine zahlentheoretisch basierte Definition findet man in DIN 55350, Teil 12

Diskretisiertes kontinuierliches Merkmal (engl. discretized continuous characteristic)

Merkmal, dessen diskrete Merkmalswerte aus kontinuierlichen Merkmalswerten ermittelt werden, indem geprüft wird, ob die kontinuierlichen Merkmalswerte ein Kriterium erfüllen oder nicht (z. B. **Messwert** innerhalb / außerhalb Toleranz)

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar

Einheit (engl. item, entity)

Das, was einzeln beschrieben und betrachtet werden kann [ISO 3534-2, 1.2.11]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Nicht zu verwechseln mit "Maßeinheit" (vgl. [VIM, 1.9])



Ermittlung (engl. test)

Technischer Vorgang bestehend aus der Ermittlung eines oder mehrerer **Merkmale** für ein Produkt, einen Prozess oder eine Dienstleistung an Hand eines genau angegebenen Verfahrens

ANMERKUNG 1: **Messung** ist eingeschränkt auf das Messen von Größen, wogegen Ermittlung in weiterem Sinn benutzt wird zum Ermitteln von Merkmalen durch Messung oder durch andere Mittel wie quantitatives Bestimmen, durch Klassieren oder durch Nachweisen der Anwesenheit oder Abwesenheit eines Merkmals

[ISO 3534-2, 3.2.3]

Ermittlungsergebnis (engl. test result)

Wert eines **Merkmals**, der mittels eines angegebenen Ermittlungsverfahrens erhalten wurde [ISO 3534-2, 3.4.1]

Genauigkeit (engl. accuracy): siehe Messgenauigkeit [VIM, 2.13]

Größe (engl. quantity)

Eigenschaft eines Phänomens, eines Körpers oder einer Substanz, wobei die Eigenschaft einen Wert hat, der durch eine Zahl und eine Referenz ausgedrückt werden kann [VIM, 1.1]

Größenart (engl. kind of quantity)

Aspekt, der untereinander vergleichbaren Größen gemeinsam ist [VIM, 1.2]

Größenwert (engl. quantity value)

Zahlenwert und Referenz, die zusammen eine Größe quantitativ angeben [VIM, 1.19]

Grundgesamtheit (engl. population)

Gesamtheit der betrachteten Einheiten [ISO 3534-2, 1.2.1]

Identische Untersuchungseinheiten (engl. identical test / measurement item)

Proben, die vorbereitet sind und von denen vermutet werden kann, dass sie für den beabsichtigten Zweck identisch sind [ISO 3534-2, 1.2.34]

Justierung eines Messsystems (engl. adjustment of a measuring system)

Reihe von Tätigkeiten, die an einem **Messsystem** ausgeführt werden, so dass dieses festgelegte **Anzeigen** liefert, die **Werten** einer zu messenden **Größe** entsprechen [VIM, 3.11]

Kenngröße (engl. statistic)

Vollständig bestimmte Funktion aus Zufallsvariablen

NATIONALE FUSSNOTE: Kenngrößen charakterisieren Eigenschaften einer Häufigkeitsverteilung [ISO 3534-1, 1.8]

Konformität (engl. conformity)

Erfüllung einer Anforderung [ISO 9000, 3.6.1]

Konformitätsbewertung (engl. conformity evaluation)

Systematische **Prüfung** über den Grad, bis zu dem eine **Einheit** spezielle **Anforderungen** erfüllt [ISO 3534-2, 4.1.1]

Kontinuierliches Merkmal (engl. continuous characteristic)

Merkmal, dessen Merkmalswerte die **Messwerte** einer physikalischen **Größe** sind (z. B. Gewicht, Länge, Strom, Temperatur) [CDQ 0301]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Eine zahlentheoretisch basierte Definition findet man in DIN 55350, Teil 12

Los (engl. lot)

Bestimmter Teil einer **Grundgesamtheit**, der im Wesentlichen unter denselben Bedingungen wie die Grundgesamtheit in Bezug auf das Ziel der Probenahme entstanden ist [ISO 3534-2, 1.2.4]

Maßverkörperung (engl. material measure)

Messgerät, das während seines Gebrauchs permanent Größen einer oder mehrerer Arten reproduziert oder liefert, jede mit einem zugewiesenen Größenwert

ANMERKUNG 1: Die Anzeige einer Maßverkörperung ist ihr zugewiesener Größenwert

ANMERKUNG 2: Eine Maßverkörperung kann ein Normal sein

[VIM, 3.6]



Merkmal (engl. characteristic)

Kennzeichnende Eigenschaft

ANMERKUNG 1: Ein Merkmal kann inhärent oder zugeordnet sein.

ANMERKUNG 2: Ein Merkmal kann qualitativer oder quantitativer Natur sein.

ANMERKUNG 3: Es gibt verschiedene Klassen von Merkmalen, z. B.:

- physikalische, z. B. mechanische, elektrische, chemische oder biologische Merkmale;
- sensorische, z. B. bezüglich Geruch, Berührung, Geschmack, Sehvermögen, Gehör;
- verhaltensbezogene, z. B. Anständigkeit, Ehrlichkeit, Wahrheitsliebe;
- zeitbezogene, z. B. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit;
- ergonomische, z. B. physiologische oder auf Sicherheit für den Menschen bezogene Merkmale;
- funktionale, z. B. Spitzengeschwindigkeit eines Flugzeuges.

[ISO 3534-2, 1.1.1]

Messabweichung (engl. measurement error)

Messwert minus einem Referenzwert [VIM, 2.16]

Messbeständigkeit (engl. stability of a measuring instrument, stability)

Eigenschaft eines **Messgeräts**, entsprechend der seine metrologischen Eigenschaften zeitlich konstant bleiben [VIM 4.19]

Messeinrichtung (engl. measuring system)

Gesamtheit aller **Messgeräte** und zusätzlicher Einrichtungen zur Erzielung eines **Messergebnisses** [DIN 1319-1, 4.2]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: vgl. Messsystem

Messergebnis (engl. measurement result)

Menge von **Größenwerten**, die einer **Messgröße** zugewiesen sind, zusammen mit jeglicher verfügbarer relevanter Information [VIM, 2.9]

Messgenauigkeit (engl. measurement accuracy)

Ausmaß der Annäherung eines Messwerts an den wahren Wert einer Messgröße [VIM, 2.13]

Messgerät (engl. measuring instrument)

Gerät, das allein oder in Verbindung mit zusätzlichen Einrichtungen für die Durchführung von **Messungen** verwendet wird.

ANMERKUNG 1: Ein Messgerät, das alleine benutzt werden kann, ist ein Messsystem

ANMERKUNG 2: Ein Messgerät kann ein anzeigendes Messgerät oder eine Maßverkörperung sein.

[VIM, 3.1]

Messgröße (engl. measurand)

Größe, die gemessen werden soll [VIM, 2.3]

Messmittel (engl. measuring equipment)

Messgerät, Software, Messnormal, Referenzmaterial oder apparative Hilfsmittel oder eine Kombination davon, wie sie zur Realisierung eines Messprozesses erforderlich sind [ISO 9000, 3.10.4]

Messmethode (engl. measurement method)

Allgemeine Beschreibung des logischen Vorgehens zur Durchführung einer Messung [VIM, 2.5]

Messobjekt (engl. measuring object; object of measurement)

Träger der Messgröße [DIN 1319-1, 1.2]

Messpräzision (engl. measurement precision)

Ausmaß der Übereinstimmung von **Anzeigen** oder **Messwerten**, die durch wiederholte **Messungen** an denselben oder ähnlichen Objekten unter vorgegebenen Bedingungen erhalten wurden [VIM 2.15]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: siehe auch Präzision

Messprinzip (engl. measurement principle)

Phänomen, das als Grundlage einer Messung dient [VIM, 2.4]

Messprozess (engl. measurement process)

Satz von Tätigkeiten zur Ermittlung eines Größenwertes [ISO 9000, 3.10.2]



Messsystem (engl. measuring system)

Kombination aus **Messgeräten** und oft anderen Geräten sowie bei Bedarf Reagenzien und Versorgungseinrichtungen, die so angeordnet und angepasst sind, dass sie Information liefern, um **Messwerte** innerhalb bestimmter Intervalle für **Größen** bestimmter **Arten** zu erhalten

ANMERKUNG: Ein Messsystem kann aus nur einem einzigen Messgerät bestehen

[VIM, 3.2]

Messung (engl. measurement)

Prozess, bei dem einer oder mehrere **Größenwerte**, die vernünftigerweise einer **Größe** zugewiesen werden können, experimentell ermittelt werden

ANMERKUNG 1: Der Begriff "Messung" ist nicht auf Nominalmerkmale anwendbar

ANMERKUNG 2: Eine Messung bedeutet Vergleich von Größen und schließt das Zählen mit ein

ANMERKUNG 3: Eine Messung setzt eine Beschreibung der Größe zusammen mit dem beabsichtigten Zweck eines **Messergebnisses** voraus sowie ein **Messverfahren** und ein kalibriertes **Messsystem**, das gemäß einem vorgegebenen Messverfahren arbeitet, einschließlich der Messbedingungen

[VIM, 2.1]

<u>Messunsicherheit</u> (engl. measurement uncertainty)

Nichtnegativer Parameter, der die Streuung der **Werte** kennzeichnet, die der **Messgröße** auf der Grundlage der benutzten Information beigeordnet ist [VIM, 2.26]

Messverfahren (engl. measurement procedure)

Detaillierte Beschreibung einer **Messung** gemäß einem oder mehreren **Messprinzipien** und einer **Messmethode** auf der Grundlage eines **Modells der Messung** und einschließlich aller Berechnungen zum Erhalt des **Messergebnisses** [VIM, 2.6]

Messwert (engl. measured quantity value; measured value)

Größenwert, der ein Messergebnis repräsentiert [VIM, 2.10]

Modell der Messung (engl. measurement model; model)

Mathematische Beziehung zwischen allen **Größen**, von denen bekannt ist, dass sie an einer **Messung** beteiligt sind [VIM, 2.48]

Nominalmerkmal (engl. nominal property)

Eigenschaft eines Phänomens, eines Körpers oder einer Substanz, die nicht quantifizierbar ist [VIM, 1.30]

Normal (engl. measurement standard)

Realisierung der Definition einer **Größe**, mit angegebenem **Größenwert** und beigeordneter **Messunsicherheit**, benutzt als Referenz

ANMERKUNG 1: Eine "Realisierung der Definition einer Größe" kann durch ein **Messsystem**, eine **Maßver-körperung** oder ein Referenzmaterial geliefert werden.

[VIM, 5.1]

Präzision (engl. precision): siehe Messpräzision [VIM, 2.15]

Präzision (engl. precision)

Grad der Übereinstimmung zwischen voneinander **unabhängigen Ergebnissen**, die unter vereinbarten Bedingungen ermittelt wurden.

ANMERKUNG 1: Die Präzision hängt nur von der Verteilung der zufälligen Fehler ab. Sie bezieht sich nicht auf den wahren Wert oder den angegebenen Wert.

ANMERKUNG 2: Als Maß für die Präzision wird im allgemeinen die Unpräzision gewählt, die berechnet wird als Standardabweichung des **Ermittlungsergebnisses** oder des **Messergebnisses**. Eine kleinere Präzision äußert sich durch eine größere Standardabweichung.

ANMERKUNG 3: Quantitative Maße für die Präzision hängen entscheidend von den vereinbarten Bedingungen ab. **Wiederholbedingungen** und **Vergleichbedingungen** sind besondere Sätze von äußerst genau vereinbarten Bedingungen.

[ISO 3534-2, 3.3.4]

Probe (engl. sample)

Teilmenge einer **Grundgesamtheit**, die aus einer oder mehreren **Auswahleinheiten** besteht [ISO 3534-2, 1.2.17]



Prüfeinrichtung (engl. inspection system)

Gesamtheit aller Einrichtungen zur Ermittlung eines Prüfergebnisses

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Messeinrichtung" [DIN 1319-1, 4.2]

Prüfergebnis (engl. inspection result)

Menge von Ermittlungsergebnissen, die einer Prüfung unterzogen wurden

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Messergebnis" [VIM, 2.9]

Prüfgröße (engl. test statistic)

Kenngröße, die im Zusammenhang mit einem statistischen Test verwendet wird [ISO 3534-1, 1.52]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Nicht zu verwechseln mit "Messgröße" (vgl. [VIM, 2.3])

<u>Prüfmittel</u> (engl. measuring and test equipment)

Messmittel für Prüfungen [DIN 1319-2, 3.1.1]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Aufgrund unzureichender Normvorgaben wird der Begriff Prüfmittel im vorliegenden Heft auch in erweitertem Sinn angewandt und auf **Prüfeinrichtungen** ausgedehnt, die **Prüfergebnisse** nicht notwendigerweise durch **Messung** von **Größen** ermitteln, sondern auch durch andere Mittel wie quantitatives Bestimmen, durch Klassieren oder durch Nachweisen der Anwesenheit oder Abwesenheit eines **Merkmals**

Prüfobjekt (engl. test object)

Träger des Merkmals, das einer Prüfung unterzogen wird

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Mess-objekt" [DIN 1319-1, 1.2]

Prüfprozess (engl. inspection process)

Satz von Tätigkeiten zur Ermittlung eines Prüfergebnisses

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Mess-prozess" [ISO 9000, 3.10.2]

Prüfsystem (engl. inspection system): siehe Prüfeinrichtung

Prüfung (engl. inspection)

Konformitätsbewertung durch Beobachten und Beurteilung, begleitet – soweit zutreffend – durch **Messung**, Testen oder Vergleichen [ISO 3534-2, 4.1.2]

Referenzios (engl. reference lot)

Los, das sich aus Referenzteilen zusammensetzt

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Los" [ISO 3534-2, 1.2.4]

Referenzteil (engl. reference part)

Messobjekt oder Prüfobjekt, das die Realisierung der Definition einer Größe (z. B. als Normal) oder eines Nominalmerkmals (z. B. als Grenzmuster) darstellt.

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar; Definition in Analogie zum Begriff "Normal" [VIM, 5.1]

Referenzwert (engl. reference quantity value; reference value)

Größenwert, der als Grundlage für den Vergleich mit Werten von Größen der gleichen Art verwendet wird

ANMERKUNG 1: Ein Referenzwert kann ein wahrer Wert einer Messgröße sein, dann ist er unbekannt, oder ein vereinbarter Wert, dann ist er bekannt.

ANMERKUNG 2: Ein Referenzwert mit beigeordneter **Messunsicherheit** wird üblicherweise angegeben mit Bezug auf

- a) ein Material, z. B. ein zertifiziertes Referenzmaterial
- b) ein Gerät, z.B. ein stabilisierter Laser,
- c) ein Referenzmessverfahren.
- d) einen Vergleich von Normalen

[VIM, 5.18]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Aufgrund unzureichender Normvorgaben wird der Begriff Referenzwert im vorliegenden Heft auch in erweitertem Sinn angewandt und auf **diskrete Merkmale** ausgedehnt. Sofern der Typ des Referenzwertes nicht eindeutig aus dem Zusammenhang hervorgeht, werden die Begriffe kontinuierlicher bzw. diskreter Referenzwert verwendet.



Richtiger Wert (engl. conventional true value)

Wert einer Größe oder eines quantitativen Merkmals, der für einen bestimmten Zweck an die Stelle des wahren Wertes treten kann

ANMERKUNG 1: Ein richtiger Wert wird im allgemeinen als hinreichend nahe am wahren Wert liegend angesehen, sofern die Differenz für den vorliegenden Zweck nicht signifikant ist

[ISO 3534-2, 3.2.6]

Spezifikation (engl. specification)

Dokument, das Anforderungen festlegt [ISO 3534-2, 3.1.1]

Stichprobe (engl. sample): siehe Probe [ISO 3534-2, 1.2.17]

Systematische Messabweichung (engl. systematic measurement error)

Komponente der **Messabweichung**, die bei wiederholten **Messungen** konstant bleibt oder sich in vorhersagbarer Weise ändert

ANMERKUNG 1: Ein **Referenzwert** für eine systematische Messabweichung ist ein **wahrer Wert** oder ein **Messwert** eines **Normals** mit vernachlässigbarer **Messunsicherheit** oder ein **vereinbarter Wert**

ANMERKUNG 3: Systematische Messabweichung ist gleich der Messabweichung minus der zufälligen Messabweichung

[VIM, 2.17]

<u>Unabhängige Ergebnisse</u> (engl. independent test / measurement results)

Ermittlungsergebnisse und **Messergebnisse**, die ohne gegenseitige Beeinflussung erhalten wurden [ISO 3534-2, 3.4.3]

Ungewöhnliche Punktefolge (engl. unusual sequence of points)

Messergebnisse oder **Kenngrößen**, die (z. B. grafisch) in zeitlicher Reihenfolge dargestellt ein statistisch unwahrscheinliches Verhalten zeigen

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Genormte Definition nicht verfügbar

Vereinbarter Wert (engl. conventional quantitity value; conventional value)

Größenwert, der durch Vereinbarung einer Größe für den vorgegebenen Zweck zugewiesen wird

ANMERKUNG 1: Manchmal wird für diesen Begriff die Benennung "konventionell wahrer Wert" verwendet, doch ist von dessen Verwendung abzuraten

ANMERKUNG 2: Manchmal ist ein vereinbarter Wert ein Schätzwert eines wahren Werts

ANMERKUNG 3: Von einem vereinbarten Wert wird üblicherweise erwartet, dass er eine angemessen kleine **Mess-unsicherheit** hat, die auch null sein kann

[VIM, 2.12]

REDAKTIONELLE ANMERKUNG: Der Begriff "vereinbarter Wert" ersetzt in [VIM] offenbar den Normbegriff "richtiger Wert", der in der aktuellen Ausgabe des [VIM] nicht mehr enthalten ist.

Vergleichbedingung (engl. intermediate precision condition)

Messbedingung bei Vorliegen einer Menge von Bedingungen, die dasselbe **Messverfahren**, denselben Messort und wiederholte Messungen an demselben Objekt oder ähnlichen Objekten über ein längeres Zeitintervall umfasst, aber auch andere sich ändernde Bedingungen einschließen kann

ANMERKUNG 1: Die Änderungen können umfassen: neue Kalibrierungen, Kalibriernormale, Bediener und **Mess- systeme**

[VIM, 2.22]

<u>Vergleichbedingungen</u> (engl. reproducibility conditions)

Beobachtungsbedingungen, bei denen voneinander **unabhängige Ergebnisse** erhalten werden, die mit demselben Verfahren an **identischen Untersuchungseinheiten** in verschiedenen Laboratorien von verschiedenen Bearbeitern mit verschiedener Geräteausrüstung gewonnen wurden [ISO 3534-2, 3.3.11]

Vergleichpräzision (engl. intermediate measurement precision)

Messpräzision bei einer Menge von Vergleichbedingungen [VIM, 2.23]

Vergleichpräzision (engl. reproducibility)

Präzision unter Vergleichbedingungen

ANMERKUNG 1: Die Vergleichpräzision kann zahlenmäßig ausgedrückt werden durch die **Merkmale** für die Dispersion der Ergebnisse.

ANMERKUNG 2: Unter Ergebnissen werden üblicherweise korrigierte Ergebnisse verstanden.

[ISO 3534-2, 3.3.10]



Wahrer Wert einer Größe (engl. true quantity value)

Größenwert, der mit der Definition einer Größe in Übereinstimmung ist [VIM, 2.11]

Wahrer Wert (engl. true value)

Wert, der eine Größe oder ein quantitatives **Merkmal** charakterisiert, und der unter denjenigen Bedingungen vollständig definiert ist, die bei der Betrachtung der Größe oder des quantitativen Merkmals vorliegen

ANMERKUNG 1: Der wahre Wert einer Größe oder eines quantitativen Merkmals ist ein theoretischer Begriff und im allgemeinen nicht genau bekannt.

[ISO 3534-2, 3.2.5]

Wiederholbedingung von Messungen (engl. repeatability condition of measurement)

Messbedingung aus einer Menge von Bedingungen, die dasselbe **Messverfahren**, dieselben Bediener, dasselbe **Messsystem**, dieselben Betriebsbedingungen und denselben Ort und wiederholte Messungen an demselben Objekt oder an ähnlichen Objekten während eines kurzen Zeitintervalls umfassen

ANMERKUNG 1: Eine Messbedingung ist nur in Bezug auf eine vorgegebene Menge von Wiederholbedingungen eine Wiederholbedingung

[VIM, 2.20]

Wiederholbedingungen (engl. repeatability conditions)

Beobachtungsbedingungen, bei denen voneinander **unabhängige Ergebnisse** nach demselben Verfahren an **identischen Untersuchungseinheiten** in demselben Laboratorium von demselben Bearbeiter mit derselben Geräteausrüstung innerhalb einer kurzen Zeitspanne ermittelt werden.

ANMERKUNG: Die Wiederholbedingungen umfassen:

- dasselbe Messverfahren oder Ermittlungsverfahren;
- denselben Bearbeiter:
- dieselbe Geräteausrüstung, die unter denselben Bedingungen benutzt wird;
- denselben Ort:
- die Wiederholung innerhalb einer kurzen Zeitspanne.

[ISO 3534-2, 3.3.6]

Wiederholpräzision (engl. measurement repeatability, repeatability)

Messpräzision bei einer Menge von Wiederholbedingungen von Messungen [VIM, 2.21]

Wiederholpräzision (engl. repeatability)

Präzision unter Wiederholbedingungen

ANMERKUNG: Die Wiederholpräzision kann zahlenmäßig ausgedrückt werden durch **Merkmale** für die Streuung der Ergebnisse.

[ISO 3534-2, 3.3.5]

Zufällige Messabweichung (engl. random measurement error)

Komponente der **Messabweichung**, die bei wiederholten **Messungen** in unvorhersagbarer Weise schwankt

ANMERKUNG 1: Ein **Referenzwert** für eine zufällige Messabweichung ist der Mittelwert, der sich aus einer unendlichen Zahl von wiederholten Messungen derselben **Messgröße** ergeben würde.

ANMERKUNG 2: Zufällige Messabweichungen von wiederholten Messungen bilden eine Verteilung, die durch ihren Erwartungswert, der im allgemeinen als null angenommen wird, und ihre Varianz beschrieben werden kann.

ANMERKUNG 3: Die zufällige Messabweichung ist gleich der Messabweichung minus der systematischen Messabweichung

[VIM, 2.19]



Literatur

[AIAG MSA]	AIAG Core Tools, Measurement Systems Analysis (MSA), 4th edition (2010)
[AIAG SPC]	AIAG Core Tools, Statistical Process Control (SPC), 2 nd edition (2005)
[CDQ 0301]	CDQ 0301, Management von Merkmalen
	(Zentralanweisung, ausschließlich RB-intern verfügbar)
[CDQ 1001]	CDQ 1001, Prüfmittelüberwachung (Zentralanweisung, ausschließlich RB-intern verfügbar)
[EWQ]	Elementare Werkzeuge der Qualitätstechnik, Broschüre der Robert Bosch GmbH (2005)
[DIN 1319-1]	DIN 1319-1, Grundlagen der Meßtechnik, Teil 1, Grundbegriffe
[DIN 1319-2]	DIN 1319-2, Grundlagen der Messtechnik, Teil 2, Begriffe für Messmittel
[Fleiss]	J. L. Fleiss, Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters, Psychological Bulletin (1971), Vol. 76, No. 5, pp. 378 – 382
[Fleiss-2]	J. L. Fleiss, B. Levin, M. C. Paik, Statistical Methods for Rates and Proportions, 3 rd edition (2003), Wiley-Interscience, John Wiley & Sons Inc., ISBN 0-471-52629-0: Chpt. 18, The Measurement of Interrater Agreement, pp. 598 – 626
[GUM]	DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (ENV 13005)
[Heft 3]	Schriftenreihe Qualitätsmanagement in der Bosch-Gruppe, Technische Statistik, Heft Nr. 3, Auswerten von Messreihen
[Heft 8]	Schriftenreihe Qualitätsmanagement in der Bosch-Gruppe, Technische Statistik, Heft Nr. 8, Messunsicherheit
[Heft 9]	Schriftenreihe Qualitätsmanagement in der Bosch-Gruppe, Technische Statistik, Heft Nr. 9, Maschinen- und Prozessfähigkeit
[ISO 10012]	DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme – Anforderungen an Messprozesse und Messmittel (ISO 10012)
[ISO 14253]	DIN EN ISO 14253-1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) – Prüfung von Werkstücken und Messgeräten durch Messen – Teil 1: Entscheidungsregeln für die Feststellung von Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit Spezifikationen (ISO 14253-1)
[ISO 14468]	ISO/TR 14468, Selected illustrations of attribute agreement analysis
[ISO 3534-1]	DIN ISO 3534-1, Statistik – Begriffe und Formelzeichen – Teil 1: Wahrscheinlichkeit und allgemeine statistische Begriffe (ISO 3534-1)
[ISO 3534-2]	DIN ISO 3534-2, Statistik – Begriffe und Formelzeichen – Teil 2: Angewandte Statistik (ISO 3534-2)
[ISO 9000]	DIN EN ISO 9000, Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen u. Begriffe (ISO 9000)
[MH]	Handbuch Managementsystem für Qualität, Umwelt und Sicherheit der Bosch-Gruppe (Zentralanweisung, ausschließlich RB-intern verfügbar)
[Sachs]	J. Hedderich, L. Sachs, Angewandte Statistik, Springer Verlag Berlin, 16. Auflage, 2018
[VDA 5]	VDA, Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie, Band 5, Prüfprozesseignung, Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA), ISSN 0943-9412
[VDI 2618]	VDI/VDE/DGQ-Richtlinie 2618, Prüfanweisungen zur Prüfmittelüberwachung
[VDI 2622]	VDI/VDE/DGQ/DKD-Richtlinie 2622, Kalibrieren von Messmitteln für elektrische Größen
[VIM]	Internationales Wörterbuch der Metrologie (VIM), Deutsch-Englische Fassung ISO/IEC-Leitfaden 99, Herausgeber DIN Deutsches Institut für Normung, Beuth Verlag Berlin Wien Zürich, ISBN 978-3-410-23472-3



D. J. Wheeler, R. W. Lyday, Evaluating the Measurement Process, $\mathbf{1}^{\text{st}}$ edition (1984), SPC Press Inc.

[Wheeler]

Stichwortverzeichnis

%	E
%GRR12, 13, 15, 16, 25, 47, 51, 56, 57	Einflussgröße
А	Prüfer48
Ablaufdiagramm3, 4, 5, 6, 7	Teil48 Wechselwirkung48
Verfahren 110	Eingriffsgrenze
Verfahren 2 13 Verfahren 3 16	Einheit79
Verfahren 519	Equipment Variation
Abweichung58, 79	Ergebnis, unabhängiges84
quadratisch48, 49	Ermittlung80 Ermittlungsergebnis80
systematisch1	EV
zufällig1 Akzeptanz	F
Akzeptanzbereich9, 45	
Akzeptanzkriterium9, 10, 44, 45	Fähigkeit
Formblatt42 Unsicherheitsbereich45	Fähigkeitsindex
Analysis of VariancesSiehe ANOVA	Fähigkeitskategorien, Inkonsistenzen 56 Fähigkeitskriterium
Anforderung79	Fähigkeitsnachweis1, 12, 15, 22, 24, 28, 32
ANOVA1, 12, 15, 48, 55	Fähigkeitsuntersuchung3–7, 10, 13, 16, 55
ANOVA-Tabelle50	Messprozess4, 5, 6, 10, 13, 16
Anzeige	Prüfprozess
anzeigendes Messgerät79 Appraiser VariationSiehe AV	Freiheitsgrad
ARM	1 1631
Auflösung5, 79	G
anzeigendes Messgerät79	Genauigkeit
Ausgleichsgerade	Gesamtstreubreite
Auswahleinheit	Grenze
Average-Range-Methode Siehe ARM	einseitig
В	natürliche
Bedienereinfluss12, 15	Größe80
Bericht Programme Programme 40	Größenart79, 80
Bewertung nicht fähiger Prozesse40 solara.MP®, Verfahren 1 – 6 Siehe solara.MP®	Größenwert80 GRR13, 16, 24, 26, 46, 47, 49, 50, 51, 52
Verfahren 1, einseitiger Grenzwert42 Verfahren 731	Grundgesamtheit
Bewertung	I
Bewertungskategorie 24, 28, 29, 65, 66, 67	las Dist
Bewertungspaar65, 66	Iso-Plot46
Bewertungsprozess, ein-/mehrstufig74	J
Einzelbewertung65, 66 Übereinstimmung65	
Bias	Justierung2, 21, 22, 32, 43, 80
С	К
	Kalibrierung1, 2, 8, 21, 45
Cg	Kappa (κ)28, 29, 65, 67
Cgk	Auswertung manuell (Beispiel)
30	Auswertung Minitab (Beispiel)71 Cohen's Kappa65
D	Fleiss' Kappa65
Daten, personenbezogen2	Kategorie Siehe Bewertungskategorie
Dokumentation2, 9, 28, 32	Kenngröße
Mindestangaben2	%GRRSiehe %GRR CgSiehe Cg
	C _{gk}



Heft 10 – Fähigkeit von Mess- und Prüfprozessen	
GRR Siehe GRR	Messverfahren82
Kappa (κ)Siehe Kappa (κ)	Messwert9, 21, 48, 54, 58, 82
ndcSiehe ndc	einzeln44
prozessbezogen13, 16, 47	Streuung1
toleranzbezogen12, 15, 25, 63	Mittelwert
K-Faktor53, 54	Mittelwertkarte20
Konformität	Mittelwert-Spannweiten-Methode Siehe ARM
Konformitätsbewertung80	·
Kundenforderung 2, 9, 13, 16, 18, 22, 29, 57	N
	ndo 12 16 46 47
L	ndc13, 16, 46, 47 Nominalmerkmal82
LangzeitverhaltenSiehe Stabilität	Normal
Linearität	Normalverteilung
Lineares Modell59, 61	7, 10, 00
Linearitätsnachweis63	Р
Messabweichung63	·
Messwertstreuung63	Part Variation
nach AIAG MSA58	Präzision82
Beispiele61	Probe82
Nulllinie59	Prozessstreubreite51
Signifikanz Achsenabschnitt59	Prüfdurchlauf
Signifikanz Steigung59	Prüfentscheid
Verfahren 1, mehrfach18, 63	Prüfer
Los80	Prüfergebnis
	Prüfgröße83
M	Prüfintervall21
Maßverkörperung80	Prüfmethode2
Merkmal	Prüfmittel
attributiv1	Prüfmittelüberwachung (PMÜ) 2, 8, 18, 22, 32
diskret	Prüfobjekt
diskretisiert24, 28, 32, 79	Prüfpersonal24, 28, 29
einseitig begrenzt8, 9, 13, 16, 44	Prüfplan2, 8, 9, 12, 15, 24, 28, 29
kontinuierlich	Prüfplanung1
mehrdimensional (multivariat)1	Prüfprozess 1, 12, 15, 25, 28, 29, 32, 74, 83
variabel1	nicht fähig32, 40
zweiseitig begrenzt8	Prüfprozessfähigkeit Siehe Fähigkeit
Messabweichung59, 81	Prüfsystem83
systematisch 2, 8, 9, 18, 43, 44, 48, 58, 84	Prüfung
zufällige85	Prüfverfahren21, 24, 28, 29
Messbeständigkeit	Punktefolge, ungewöhnliche
Messeinrichtung	7er-Regel
Messergebnis	Run22
Messgerät81	Trend
Messgröße81	PV13, 16, 47, 49, 50, 51, 52
Messmethode	
Messmittel	R
Messobjekt1, 12, 15, 22, 81	D (
Anzahl, unzureichende55	Referenz29
Messpräzision81	Referenzios
Messprinzip81	Referenzteil1, 20–22, 24, 28, 29, 58, 63, 67,
Messprozess	83 Deferentiated
instabil21, 22	Referenzwert8, 9, 18, 20, 25, 43, 58, 65, 83 diskret
nicht fähig32, 40	diskretisiert28
stabil21	kontinuierlich24, 28
Messprozessanalyse22, 33	Relevanz, technische
MessprozessfähigkeitSiehe Fähigkeit	Rückführbarkeit
Messreihe	
Mindestanzahl	S
Messaystem	
Messung	Serienteil
Modell82 Messunsicherheit	Signifikanz
wiessunsichenteit	Signilikanzkinenum43



s-Karte20	Unsicherheit2
solara.MP [®] 1, 2, 9, 12, 15	Kalibrierung8
Bericht Verfahren 111	Unsicherheitsbereich25
Bericht Verfahren 214	Untersuchungseinheit, identische80
Bericht Verfahren 317	Urwertkarte20
Bericht Verfahren 4 (Linearität nach AIAG	
MSA)60	V
Bericht Verfahren 523	·
Bericht Verfahren 627	Varianz 51, 55
Sonderverfahren	VarianzanalyseSiehe ANOVA
Spannweite52, 53, 54	Verfahren
Spannweitenmethode Siehe ARM	Verfahren 110, 43, 56
Spezifikation32, 84	Verfahren 212, 13, 46, 48, 54, 56
Stabilität	Verfahren 315, 16, 46, 54, 56
Langzeit	Verfahren 418
Stabilitätskarte	Verfahren 4 (Linearität nach AIAG MSA)58
Stabilitätsteil20, 21, 22	Verfahren 519, 64
Stabilitätsüberwachung1, 19, 20, 22, 32	Verfahren 624
Standardabweichung	Verfahren 728
Stichprobe20, 53, 54, 84	Vergleichbedingung84
Stichprobengröße Siehe Stichprobenumfang	Vergleichpräzision 12, 15, 25, 29, 49, 50, 52, 65,
Stichprobenintervall21	84
Stichprobenumfang 9, 20, 24, 43, 53, 64	Vertrauensbereich55
Streubreite	Vertrauensgrenze 58, 59
Streuung	Vertrauensniveau20, 43, 55, 58, 59, 64
Gesamtstreuung49, 50, 52	
Messmittel49, 50, 52	W
Prüfer49, 50, 52	Wechselwirkung
Teile	Messvorgang – Messobjekt15
Streuungskarte	Prüfer – Teil49, 50, 52
Streuverhalten12, 15	Wert
ou cuvernation	richtiger8, 9, 44, 45, 84
Т	vereinbarter84
·	wahrer85
Toleranz5, 9, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 28, 51, 63	Wiederholbedingung
Total VariationSiehe TV	Wiederholpräzision 12, 15, 25, 29, 49, 50, 52, 65,
t-Test43, 59	85
TV13, 16, 49, 50, 51, 52	00
U	X
	x-Karte20
Übereinstimmung29	x-Nane20
beobachtet29, 65, 66	Z
nicht zufällig67	
paarweise29	Zuständigkeit3
zufällig29, 66	-



Robert Bosch GmbH C/QMM Tilsch Wiener Straße 42 - 46 70469 Stuttgart Germany

Telefon +49 711 811-0 www.bosch.com



Leerseite



Robert Bosch GmbH

C/QMM Tilsch 70469 Stuttgart Germany Telefon +49 711 811 - 0 www.bosch.com

